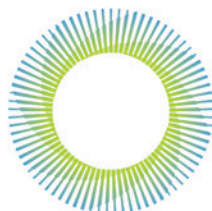


การให้บริการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

(องค์การมหาชน)



**SYNCHROTRON
THAILAND**
NATIONAL LAB

คำนำ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีพันธกิจเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดำเนินการส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ทั้งนี้ สถาบันฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมการให้บริการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้รับทราบรายละเอียดในเบื้องต้น และสามารถติดต่อขอใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสถาบันฯ มีความพร้อมในการให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่

1. บริการแสงซินโครตรอน
2. บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3. บริการวิจัยตอบโจทย์
4. บริการเทคนิคและวิศวกรรม
5. บริการที่ปรึกษา
6. บริการอื่น ๆ เช่น การถ่ายเทคโนโลยี การจัดอบรม สัมมนา เป็นต้น

โดยเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solution) เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต การคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ เช่น การเกษตร อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ยางและพอลิเมอร์ โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนจุลภาค (ชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว) อัญมณี และด้านการแพทย์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

- 06 Beamline 1.1W : ระบบลำเลียงแสงพหุเทคนิครังสีเอกซ์ Multiple X-ray Techniques (MXT)
- 10 Beamline 1.2W : ระบบลำเลียงแสงและสถานีถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ
X-ray Imaging & X-ray Tomographic Microscopy (XTM)
- 14 Beamline 1.3W : ระบบลำเลียงแสงการกระเจิงรังสีเอกซ์มุมแคบ/กว้าง
Small / Wide Angle X-ray Scattering (SAXS / WAXS)
- 16 Beamline 2.2 : ระบบลำเลียงแสงวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์แบบย่นเวลา (บอนน์-มทส.-สช.)
Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy (TRXAS)
- 18 Beamline 3.2Ua : ระบบการลำเลียงแสงการปลดปล่อยอิเล็กตรอน Photoelectron Emission Spectroscopy (PES)
- 22 Beamline 3.2Ub : ระบบการลำเลียงแสงการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโฟโตอิมิสชัน
Photoelectron Emission Microscopy (PEEM)
- 24 Beamline 4.1 : ระบบลำเลียงแสงการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด Infrared Spectroscopy and Imaging (IR)
- 28 Beamline 5.1WB : ระบบลำเลียงแสงอาเซียน XAS - ASEAN (IAEA supported)
- 30 Beamline 5.2 : มทส. - นาโนเทค - สช. เทคนิคสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ X-ray Absorption Spectroscopy
(SUT-NANOTEC-SLRI XAS Beamline)
- 34 Beamline 5.3 : มทส. - นาโนเทค - สช. เทคนิคสเปกโตรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนโดยรังสีเอกซ์
X-ray Photoelectron Emission Spectroscopy (SUT-NANOTEC-SLRI XPS Beamline)
- 38 Beamline 6 : ระบบลำเลียงแสงการอาบรังสีเอกซ์ Deep X-ray Lithography (DXL)
- 41 Beamline 7.2W : ระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ Macromolecular Crystallography (MX)
- 44 Beamline 8 : ระบบลำเลียงแสงสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ X-ray Absorption Spectroscopy (XAS)

- 51 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด : Scanning Electron Microscope (SEM): FEI, QUANTA 450
- 52 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน : Transmission Electron Microscope : Thermo Scientific รุ่น TALOS F200X
- 54 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม : Atomic Force Microscope (AFM) : Park systems NX10
- 56 FTIR Spectrometer, Bruker Tensor 27 FTIR-Microscope, Bruker Hyperion 3000
- 58 FT-RAMAN spectrometer, Bruker MultiRAM Raman & Dispersive Raman Microscope,
Bruker Senterra II dispersive Raman
- 60 Laser Ablation Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer (LA-ICP-MS), Thermo: iCAP Q
ICP-MS with ESI's IVA™: NWR021 laser ablation
- 62 เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แบบกระจายความยาวคลื่น Wavelength Dispersive X- Ray Fluorescence
(WDXRF), Rigaku ZSX Primus IV
- 64 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ X-Ray Diffractometer (XRD), Rigaku SmartLab
- 66 ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลของสารชีวโมเลกุล MALDI-TOF/TOF imaging: BRUKER รุ่น Autoflex maX TOF/TOF

- 68 เครื่องทดสอบการซึมผ่านแนวตั้ง Franz Diffusion Cell (FDC): Hanson, Vision G2, Automated diffusion testing
- 70 เครื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography (HPLC) : Thermo Scientific รุ่น Dionex Ultimate 3000 System)
- 72 เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลว และวิเคราะห์มวลแบบประสิทธิภาพสูง (High Resolution LC-MS/MS: Thermo Scientific รุ่น Q EXACTIVE Plus Orbitrap LC-MSMS System)
- 74 เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและวิเคราะห์มวลแบบประสิทธิภาพสูง Gas Chromatography-Mass Spectrometer: Thermo Scientific รุ่น TRACE 1300- TSQ8000
- 76 เครื่องวิเคราะห์หาน้ำหนักโมเลกุล Gel Permeation Chromatography (GPC)
- 78 เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) รุ่น HAAKE MARS 40
- 80 เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสง, ส่องผ่านแสง และการสะท้อนแสง UV-Vis-NIR
- 82 เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC)
- 84 เครื่องจำลองระบบย่อยอาหารของมนุษย์ Artificial digestive system: Tiny TIM
- 85 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องปฏิบัติการ Mini Spray Dryer : Buchi Mini Spray Dryer B-290
- 88 เครื่องทำปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการ Laboratory Reactor: IKA® LR 1000 basic
- 89 เครื่องตัดตัวอย่างแบบบาง Rotary Microtome Leica: RM2245
- 90 เครื่องตัดตัวอย่างแบบบางที่อุณหภูมิต่ำ Cryotome Leica: Cryostat CM1950
- 91 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง High Speed Centrifuge (Sorvall LYNX 4000 super speed centrifuge)
- 92 เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และสมบัติทางความร้อน Simultaneous Thermal Analyzer: STA

- 96 งานพัฒนาระบบเชิงกล และงานการผลิต
- 97 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และงานระบบควบคุม
- 98 เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรม
- 101 บริการตรวจสอบขนาดและรูปร่างทางเรขาคณิตของชิ้นงาน
- 102 บริการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและประมวลผล
- 103 บริการผลิตปั๊มสุญญากาศแบบสปีดเตอร์ไอออน
- 104 การให้บริการเชื่อมแผ่นประสานโลหะในสภาวะสุญญากาศ
- 105 การให้บริการทดสอบสภาวะการทำงานของดาวเทียมวิจัยอวกาศและวัสดุในสภาวะสุดโต่ง

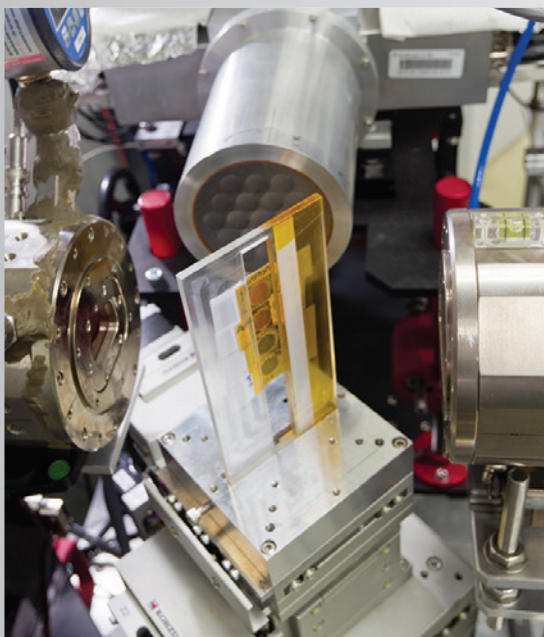
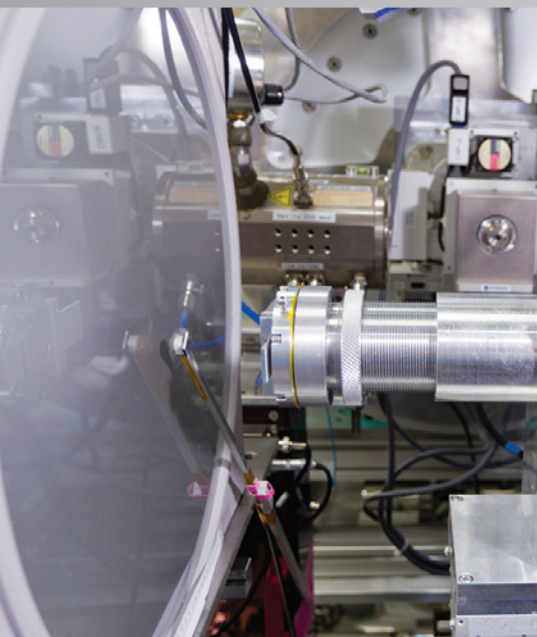


การให้บริการแสงซินโครตรอน

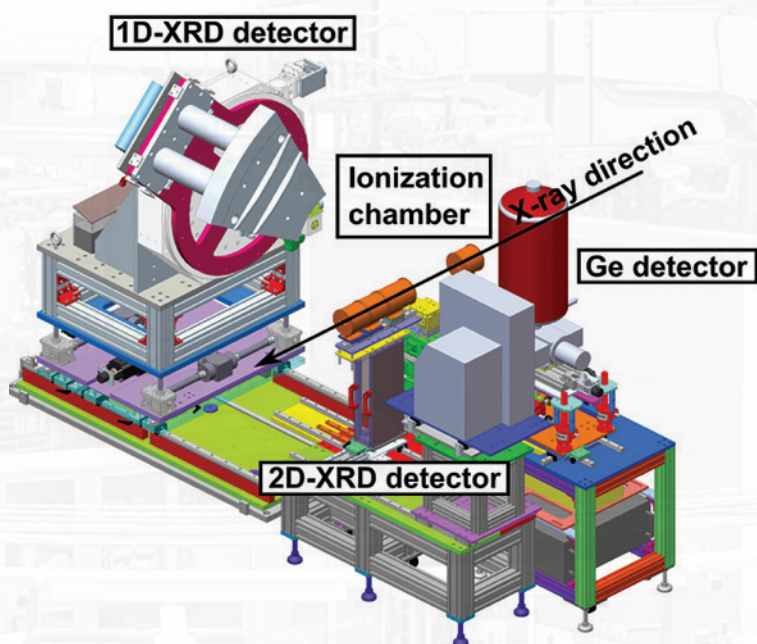
แสงซินโครตรอน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ แต่แสงซินโครตรอนนั้นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอนุภาคที่มีประจุ เช่น อิเล็กตรอน ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกือบเท่าความเร็วแสง และถูกบังคับให้เลี้ยวโค้งด้วยสนามแม่เหล็ก ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานบางส่วนและปลดปล่อยออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เรียกว่า “แสงซินโครตรอน” นักวิทยาศาสตร์ได้นำแสงซินโครตรอนมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างของสารในระดับที่ตามองไม่เห็น นั่นคือโมเลกุล หรืออะตอม เพื่อนำไปสู่การไขความลับในงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการแสงสยาม มีความพร้อมในการให้บริการแสงซินโครตรอน 12 ระบบลำแสง 13 สถานีทดลอง ซึ่งครอบคลุมเทคนิคและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้





Beamline 1.1W: ระบบลำเลียงแสงพหุเทคนิครังสีเอกซ์ Multiple X-ray Techniques (MXT)



ระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W: MXT ประกอบด้วย 3 สถานีทดลองเพื่อให้บริการเทคนิค X-ray diffraction (XRD), X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) และ X-ray fluorescence (XRF) โดยข้อมูลทางโครงสร้างที่ได้จากเทคนิค XRD เป็นข้อมูลทางโครงสร้างในภาพกว้าง ส่วนข้อมูลทางโครงสร้างที่ได้จากเทคนิค XAS เป็นข้อมูลทางโครงสร้างเฉพาะส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับชนิดของอะตอมที่สนใจทำการศึกษา และเทคนิค XRF ให้ข้อมูลชนิดของธาตุองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง การบูรณาการข้อมูลจากทั้งสามเทคนิคมาวิเคราะห์ร่วมกันจึงทำให้เข้าใจโครงสร้างของสารตัวอย่างที่สนใจได้หลายมิติขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทำการทดลองแบบ in-situ

หลักการทางเทคนิค

ข้อมูลที่ได้จากเทคนิค XRD, XAS และ XRF

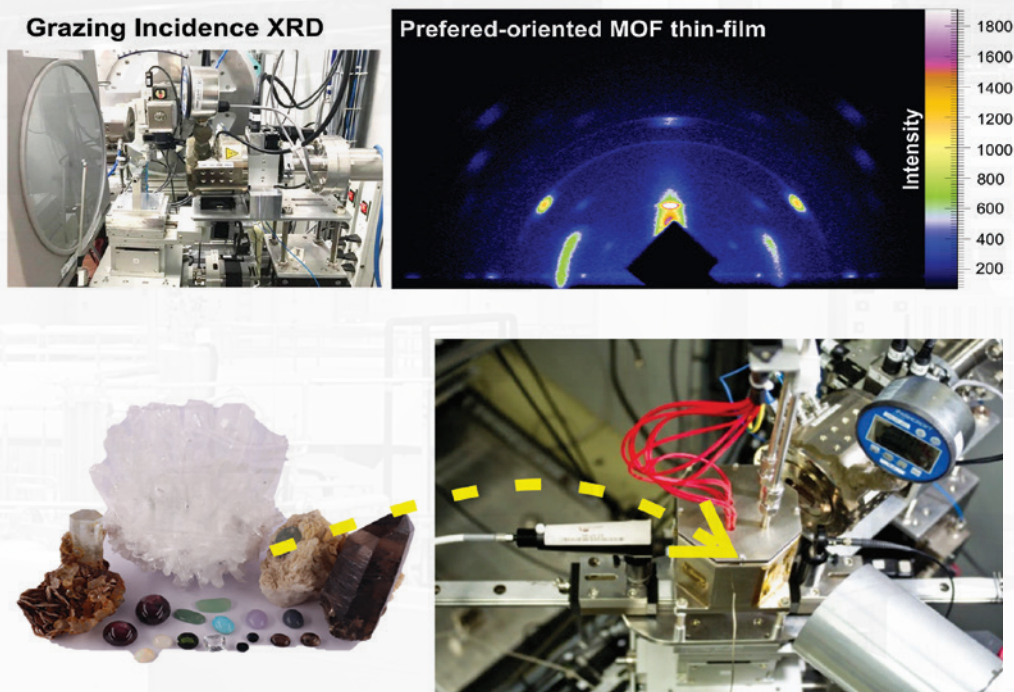
XRD	Crystal phase, Crystallite size, Crystallinity Refined crystal parameters and atomic coordinates Residual stress
XAS	Oxidation state, Site symmetry, Local coordination environment, Speciation
XRF	Qualitative and quantitative elemental analysis

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

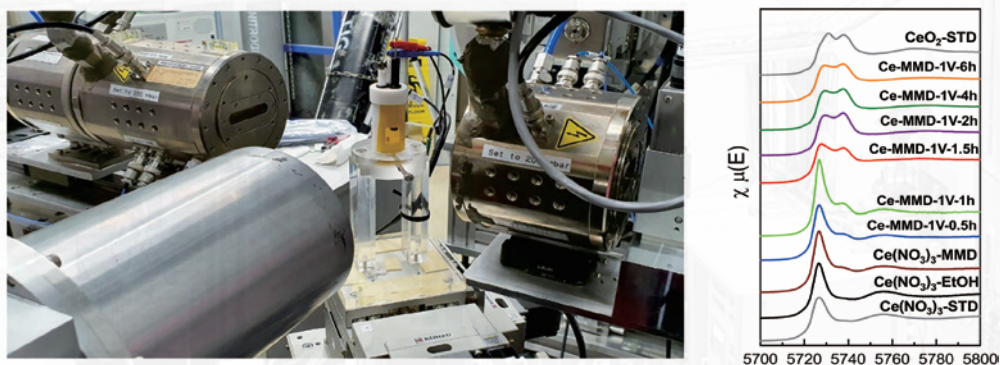
Radiation Source	Multipole Wiggler
X-ray energy	4 – 18 keV for XAS and XRF 8 – 15 keV for XRD
Photon flux	10^7 - 10^{10} phs/sec (@ 100 mA)
Energy resolution	10^{-4}
Beam size (H x V)	6 mm x 3 mm for XAS and XRF 6 mm x 0.3 mm for 1D-XRD 1 mm x 0.3 mm for 2D-XRD
Detectors	Ionization chamber for XAS 19-element Ge detector for XAS and XRF Mythen for 1D-XRD (scattering angle coverage: 5° – 150°) Mar345 Image Plate for 2D-XRD (scattering angle coverage: 6° – 100°)
Sample environment	A furnace for XAS with maximum temperature of 750°C Dome hot stage for XRD with maximum temperature of 1100°C

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

ความเข้มและความหนาของรังสีเอกซ์จากซินโครตรอนร่วมกับหัววัดประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มคุณภาพผลการทดลองจากเทคนิค XRD โดยผลของเทคนิค powder XRD ที่ได้จากสถานีทดลอง XRD ที่ระบบลำแสงที่ 1.1 สามารถนำไปทำ Rietveld refinement ได้อีกทั้งการทดลองยังสามารถทำในแบบ grazing incident เพื่อใช้ศึกษาโครงสร้างบนพื้นผิว เช่น ฟิล์มบาง ส่วนเทคนิค XAS นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้หลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์พื้นผิว และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถทำการทดลองกับสารตัวอย่างที่ไม่เป็นผลึก และสารตัวอย่างที่มีองค์ประกอบทางเคมีซับซ้อน นอกจากนั้นเทคนิค XAS ยังเหมาะกับการวัดธาตุที่มีความเข้มข้นต่ำในสารตัวอย่าง เช่น สารเจือในตัวเร่งปฏิกิริยาหรือในโพลิเมอร์ หรือเฟสปริมาณเล็กน้อยในโลหะ นอกจากนั้น สถานีทดลองยังรองรับการทดลองแบบ in-situ แบบเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ



Revealing local structures of trace elements in Gems by XAS



Probing oxidation state change during electrochemical reactions by combined amperometry-XAS

ตารางแสดงชนิดของธาตุที่สามารถตรวจวัดได้ ด้วยเทคนิค XAS

Key:

atomic number
Symbol
name
conventional atomic weight
standard atomic weight

● K-edge ● L3-edge

1 H hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]	2 He helium 4.0026	3 Li lithium 6.94 [6.938, 6.967]	4 Be beryllium 9.0122	5 B boron 10.81 [10.806, 10.821]	6 C carbon 12.01 [12.009, 12.012]	7 N nitrogen 14.01 [14.006, 14.008]	8 O oxygen 15.999 [15.994, 15.999]	9 F fluorine 18.998	10 Ne neon 20.180	11 Na sodium 22.990	12 Mg magnesium 24.305 [24.304, 24.307]	13 Al aluminum 26.982	14 Si silicon 28.086 [28.084, 28.088]	15 P phosphorus 30.974	16 S sulfur 32.06 [32.059, 32.070]	17 Cl chlorine 35.45 [35.448, 35.457]	18 Ar argon 39.948
19 K potassium 39.098	20 Ca calcium 40.078(4)	21 Sc scandium 44.956	22 Ti titanium 47.867	23 V vanadium 50.942	24 Cr chromium 51.996	25 Mn manganese 54.938	26 Fe iron 55.845(2)	27 Co cobalt 58.933	28 Ni nickel 58.693	29 Cu copper 63.546(3)	30 Zn zinc 65.38(2)	31 Ga gallium 69.723	32 Ge germanium 72.630(8)	33 As arsenic 74.922	34 Se selenium 78.971(8)	35 Br bromine 79.904 [79.901, 79.907]	36 Kr krypton 83.798(2)
37 Rb rubidium 85.468	38 Sr strontium 87.62	39 Y yttrium 88.906	40 Zr zirconium 91.224(2)	41 Nb niobium 92.906	42 Mo molybdenum 95.94	43 Tc technetium 98.00	44 Ru ruthenium 101.07(2)	45 Rh rhodium 102.91	46 Pd palladium 106.42	47 Ag silver 107.87	48 Cd cadmium 112.41	49 In indium 114.82	50 Sn tin 118.71	51 Sb antimony 121.76	52 Te tellurium 127.60(3)	53 I iodine 126.90	54 Xe xenon 131.29
55 Cs cesium 132.91	56 Ba barium 137.33	57-71 lanthanoids	72 Hf hafnium 178.49(2)	73 Ta tantalum 180.95	74 W tungsten 183.84	75 Re rhenium 186.21	76 Os osmium 190.23(2)	77 Ir iridium 192.22	78 Pt platinum 195.08	79 Au gold 196.97	80 Hg mercury 200.59	81 Tl thallium 204.38 [204.38, 204.39]	82 Pb lead 207.2	83 Bi bismuth 208.98	84 Po polonium	85 At astatine	86 Rn radon
87 Fr francium	88 Ra radium	89-103 actinoids	104 Rf rutherfordium	105 Db dubnium	106 Sg seaborgium	107 Bh bohrium	108 Hs hassium	109 Mt meitnerium	110 Ds darmstadtium	111 Rg roentgenium	112 Cn copernicium	113 Nh nihonium	114 Fl flerovium	115 Mc moscovium	116 Lv livermorium	117 Ts tennessine	118 Og oganesson

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
89 Ac actinium	90 Th thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 U uranium 238.03	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.แพรว จิรวัดน์กุล

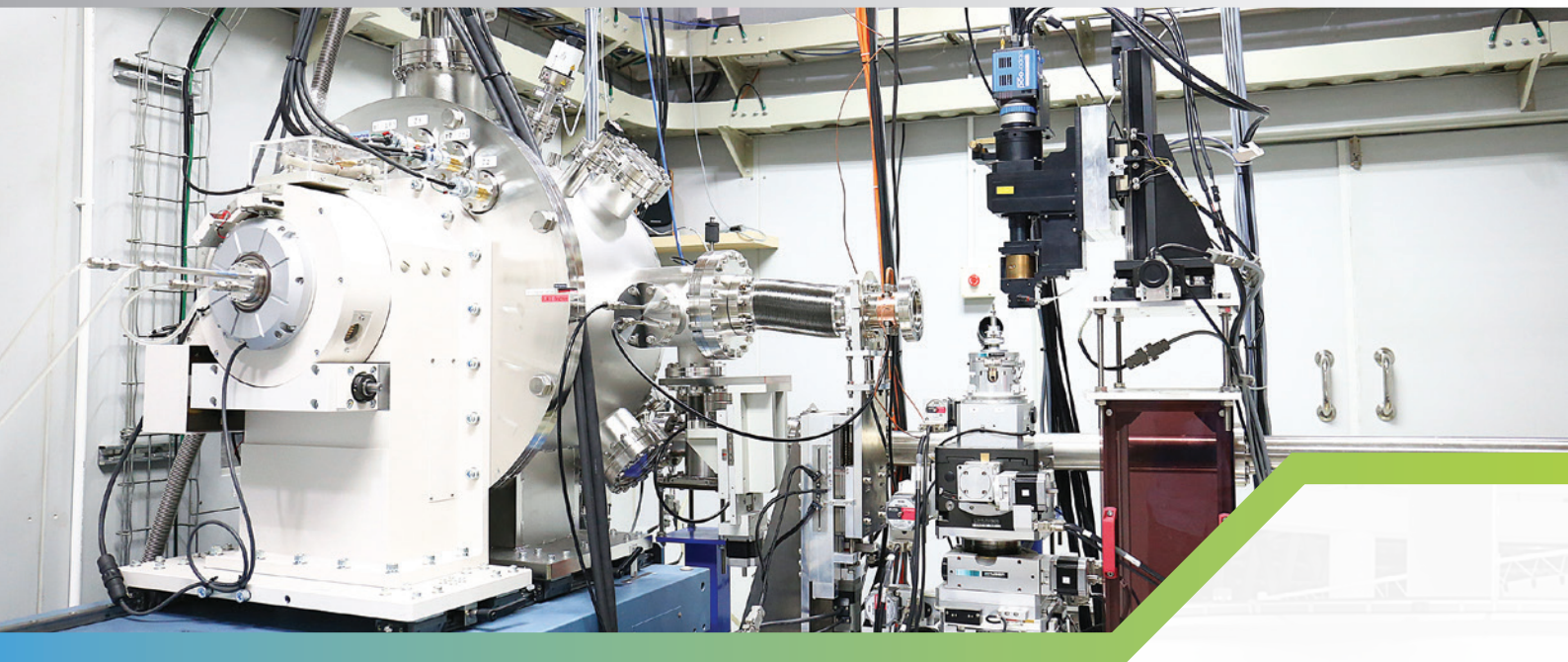
prae@slri.or.th

ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ

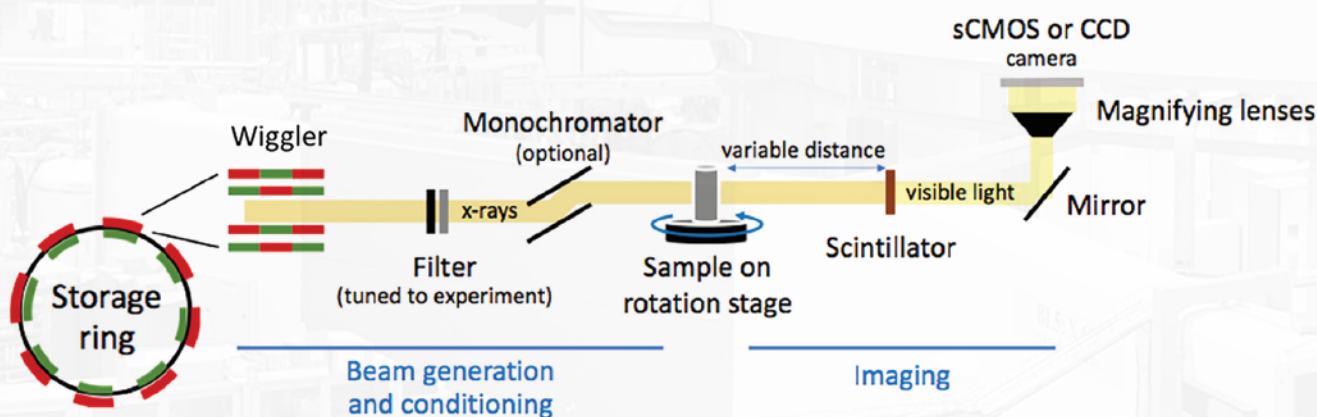
chatree@slri.or.th

ดร.สุทธิพงษ์ วรณไพญ์

suttipong@slri.or.th

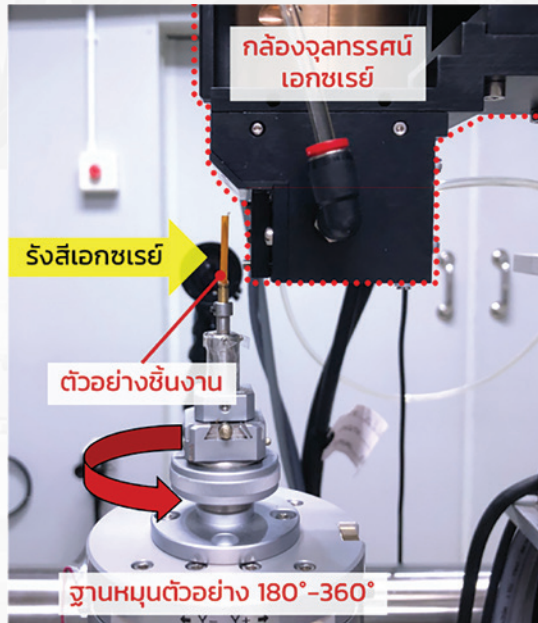


Beamline 1.2W: ระบบลำเลียงแสง และสถานีถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ X-ray Imaging & X-ray Tomographic Microscopy (XTM)

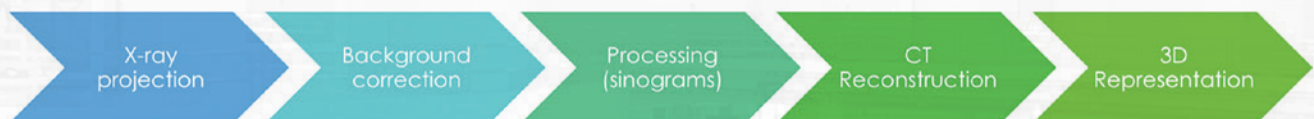


ระบบลำเลียงแสงที่ 1.2W: XTM เป็นระบบลำเลียงแสงที่ให้บริการสถานีถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติด้วยแสงซินโครตรอน ในย่านรังสีเอกซเรย์พลังงาน 5 – 20 keV โดยอาศัยหลักการถ่ายภาพเอกซเรย์แบบโทโมกราฟีรวมกับการนำกล้องจุลทรรศน์มาใช้ (Synchrotron radiation X-ray tomographic microscopy, SRXTM) เทคนิคนี้สามารถแสดงโครงสร้างภายในหรือคุณลักษณะที่อยู่ลึกลงไปในงานตัวอย่างได้แบบสามมิติ ในระดับไมครอนจากภาพถ่ายเอกซเรย์โดยไม่ต้องทำลายตัวอย่างจึงเหมาะสำหรับการศึกษาโครงสร้างทางกายภาพ ความพรุน รอยแตกร้าว เส้นทางการไหล รวมถึงองค์ประกอบที่แตกต่างในวัสดุคอมโพสิตแบบสามมิติ

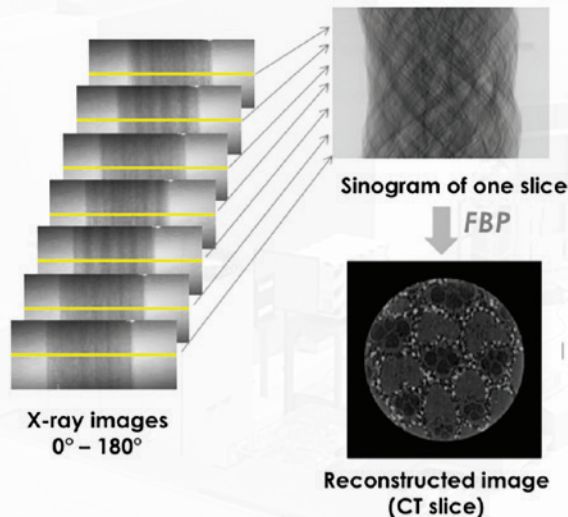
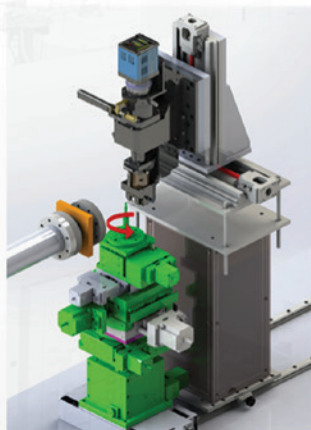
หลักการทางเทคนิค



ในการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (หรือเอกซเรย์โทโมกราฟี) เริ่มจากการติดตั้งตัวอย่างชิ้นงานลงบนภาชนะแล้วทำการถ่ายภาพเอกซเรย์รอบ ๆ ตัวอย่างด้วยแสงซินโครตรอน ที่ละ 0.1 องศาจนครบ 180 องศา จากนั้นนำภาพถ่ายเอกซเรย์ทั้งหมดมาประมวลผลร่วมกันเพื่อสร้างภาพตัดขวาง (CT Reconstruction) ด้วยวิธี Filtered back projection กระบวนการนี้ประกอบด้วยการคำนวณ background normalization, การสร้าง sinograms, และการสร้างภาพตัดขวาง (CT slices หรือ tomograms) ตามลำดับ ผลภาพตัดขวางที่ได้สามารถนำมาประกอบกันเป็นภาพสามมิติเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะต่าง ๆ ภายในตัวอย่าง ขั้นตอนการคำนวณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติโดยสรุปดังภาพ



1800 images for sample
200 images for background



3D volume

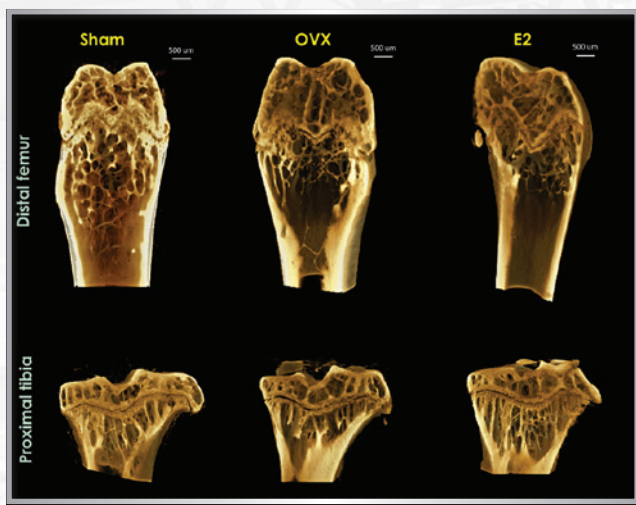


Stack of CT slices

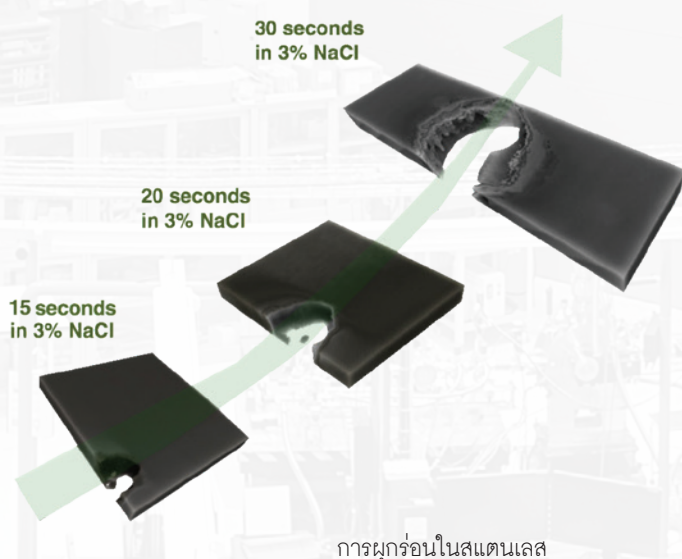
ขั้นตอนการคำนวณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

ด้วยความละเอียดในระดับไมครอน ภาพถ่ายเอกซเรย์สามมิติจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ความพรุนในกระดูกสัตว์ทดลองในงานวิจัยทางการแพทย์, การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของแมลงศัตรูพืช, การวิเคราะห์คุณภาพการแปรรูปอาหาร, การศึกษาโครงสร้างของไมโครฟอสซิล เช่น foraminifera ที่เป็นแหล่งน้ำมันในทะเล, การวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุต่าง ๆ เช่น การกระจายของเฟสต่าง ๆ ในวัสดุคอมโพสิต หรือ geopolymer เป็นต้น



กระดูกหนูทดลองของหนูปกติและหนูพร่องเอสโตรเจน
ในงานวิจัยทางการแพทย์



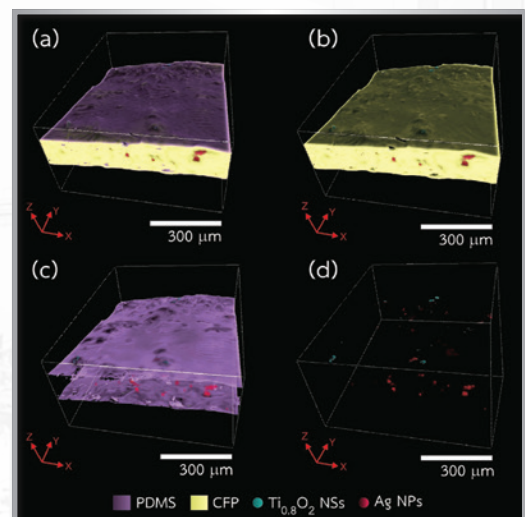
การผุกร่อนในสแตนเลส



มอดข้าวที่ฟักตัวจากไข่
ในข้าวสาร



ไมโครฟอสซิล Foraminifera
หรือ star sand



องค์ประกอบในวัสดุ composite
(Adv. Mater. Technol. 2020, 2000001)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source	Multipole wiggler, 2T
X-ray energy	Monochromatic beam 5 – 20 keV & filtered white beam
Operation modes	1) Monochromatic beam: Ge (111), approx. 10^{12} ph/s/0.1% BW @8 keV 2) (filtered) white beam
Beam size	Unfocused, (H) 10 mm x (V) 4 mm
Detector system	Scintillator & lens-coupled X-ray microscope (Optique Peter, France) PCO.edge camera, 2560x2160 pixels
Resolution	1.5 μm spatial resolution 0.72 μm pixel size
Imaging modes	Absorption-contrast microtomography Propagation-based phase contrast microtomography Laminography

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.แคทลียา ใจนวิริยะ

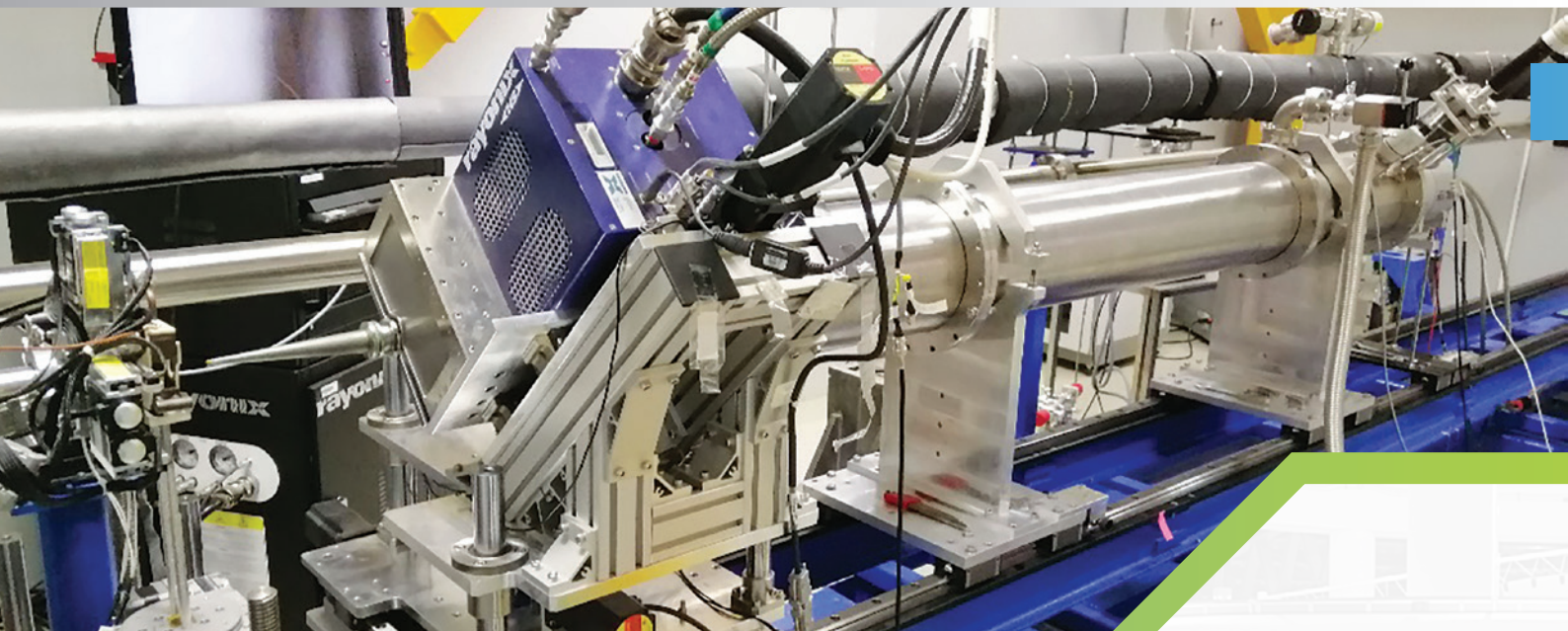
catleya@slri.or.th

ดร.ภคณันท์ ภักขนิทย์

phakkhananan@slri.or.th

น.ส.เฉลิมลักษณ์ ภูาสวัสดิ์

chalermluck@slri.or.th



Beamline 1.3W: ระบบลำเลียงแสงการกระเจิงรังสีเอกซ์มุมแคบ/กว้าง

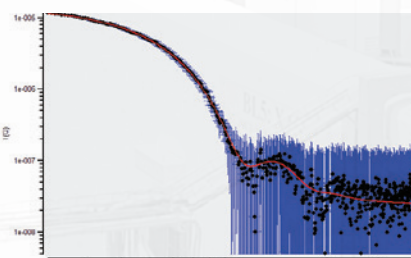
Small / Wide Angle X-ray Scattering (SAXS / WAXS)

ระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W: SAXS / WAXS เป็นระบบลำเลียงแสงรังสีเอกซ์พลังงานสูง สามารถคัดเลือกพลังงานในช่วง 6-9 keV ใช้สำหรับบันทึกปรากฏการณ์การกระเจิงรังสีเอกซ์จากตัวอย่าง ทั้งมุมแคบและมุมกว้าง ซึ่งจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและขนาดโครงสร้างระดับนาโนเมตร ลงไปจนถึงระดับอังสตรอม ซึ่งเป็นขนาดของโครงสร้างผลึก ช่วยเสริมความเข้าใจ และช่วยให้ นักวิจัยสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับคุณสมบัติของสาร เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น หรือลักษณะการทำปฏิกิริยากับสารอื่น เป็นต้น

หลักการทางเทคนิค

นักวิทยาศาสตร์ประจำระบบลำเลียงแสงจะเตรียมความพร้อมของสถานีทดลอง ให้สอดคล้องกับตัวอย่างที่ผู้ใช้บริการนำเข้ามา การเตรียมความพร้อมดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับช่วงมุมที่ต้องการวัด ประเภทของอุปกรณ์วางตัวอย่าง รวมถึงเงื่อนไขพิเศษของสิ่งแวดล้อมบริเวณที่วางตัวอย่าง เช่นระบบควบคุมอุณหภูมิ หรือระบบดึงตัวอย่าง เป็นต้น

ผู้ใช้บริการนำตัวอย่างเข้าไปติดตั้งในสถานีทดลอง และทำการเปิดระบบชุดเตอร์เพื่อบันทึกรูปแบบการกระเจิงรังสีเอกซ์จากตัวอย่างโดยใช้เวลาประมาณ 1 - 5 นาทีต่อการวัด 1 ครั้ง หลังจากนั้นจึงทำการแปลงภาพการกระเจิงรังสีเอกซ์ของมิติให้เป็นกราฟหนึ่งมิติ โดยใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่อไป โดยปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำและการกำกับดูแลจากนักวิทยาศาสตร์ประจำระบบลำเลียงแสง



กราฟการกระเจิงรังสีเอกซ์มุมแคบจากอนุภาคนาโน และการวิเคราะห์ด้วยโมเดลคณิตศาสตร์



การกระเจิงรังสีเอกซ์มุมกว้างแสดงโครงสร้างผลึกของยางภายใต้แรงดึง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

เทคนิค SAXS/WAXS สามารถใช้ศึกษาโครงสร้างระดับนาโนเมตรและโครงสร้างผลึกของตัวอย่างได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างทางด้านพอลิเมอร์หรือยางธรรมชาติ เช่น การศึกษาการจัดเรียงตัวของโครงสร้าง lamella ในพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ การศึกษาการเกิดโครงสร้างผลึกในยางธรรมชาติเมื่อได้รับแรงดึง สำหรับกลุ่มวัสดุศาสตร์ เช่น การศึกษารูปร่างและขนาดของอนุภาคนาโน การศึกษาโครงสร้างผลึกของระบบผลึกเหลวในครีมหามิ ในวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหาร เช่น การศึกษาโครงสร้างของเม็ดแป้งที่ได้จากวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น การศึกษาโครงสร้างคอลลาเจนในกระดูก เนื้อเยื่อ เส้นเอ็น

และการศึกษารูปร่างระดับนาโนเมตรของโปรตีน ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น



การกระเจิงรังสีเอกซ์มุมแคบ
แสดงโครงสร้างลามেলাของพอลิเมอร์

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source	Multipole wiggler
Photon Energy Range	6-9 keV (optimized at 9 keV)
Photon Flux	2×10^{10} photons/sec
Optics	Double multilayer monochromator + toroidal focusing mirror
X-Ray Beam Size	$1 \times 2 \text{ mm}^2$ (HxV)
Detectors	Rayonix SX165 (SAXS) and Rayonix LX170-HS (WAXS)
Maximum sample-detector distance	5 m
q-range (saxs)	$0.08 - 4.6 \text{ nm}^{-1}$
2 θ -range (waxs)	3 – 59 degree (in equivalent to Cu-K α source)
Sample type	Solid / liquid / gel / powder / fiber / film
Sample environment	In air / heating-cooling / tensile stage

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์

siriwat@slri.or.th

ดร.ศุภกร รักใหม่

supagorn@slri.or.th

ดร.นันทพร กมลสุทธิไพจิตร

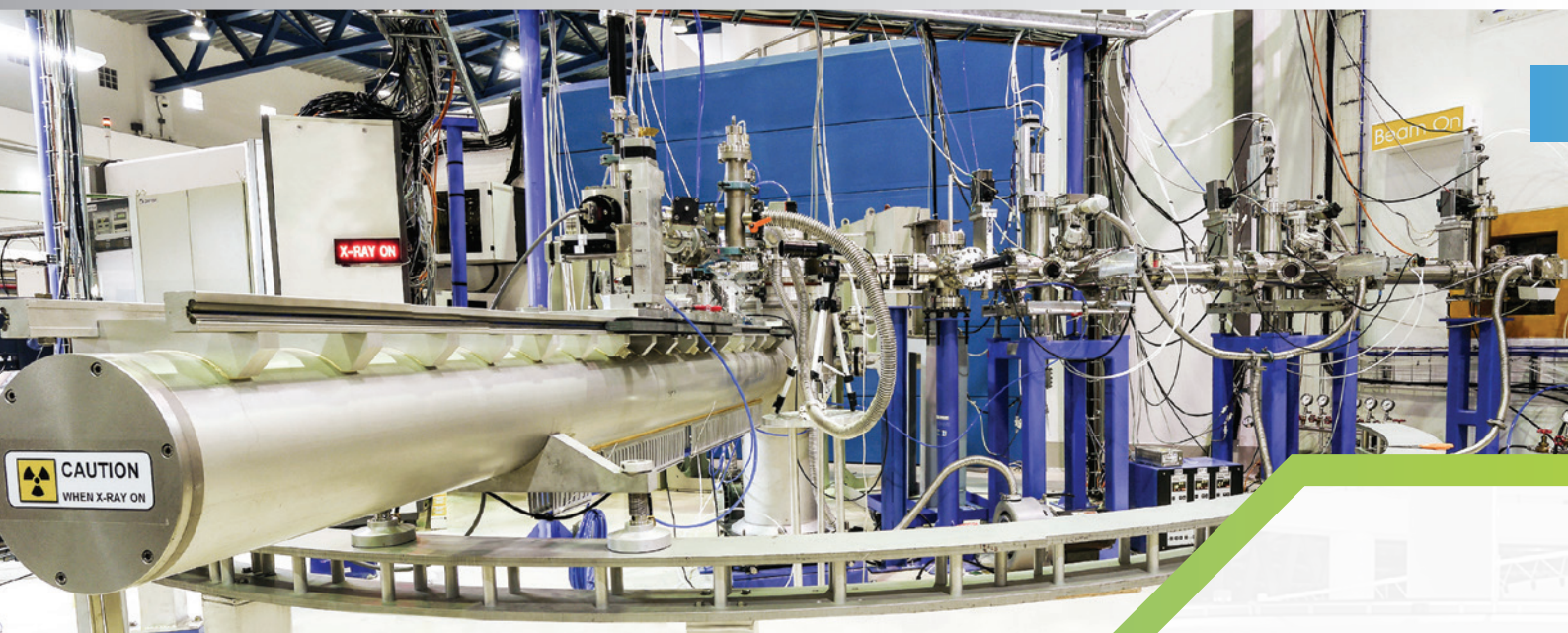
nuntaporn@slri.or.th

ดร.ศรินทร์ภา ศิริจันทร์

sirinart@slri.or.th

น.ส.ชลธิชา แก้วหาญ

chonthicha@slri.or.th



Beamline 2.2: ระบบลำเลียงแสงวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์แบบย่นเวลา (บอนน์-มทส.-สช.)

Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy (Bonn-SUT-SLRI) (TRXAS)

ระบบลำเลียงแสงที่ 2.2: TRXAS เป็นแบบกระจายพลังงาน (energy dispersive XAS, EDXAS) โดยใช้อุปกรณ์ดัดผลึก (crystal bender) บังคับให้ผลึกบิดงอด้วยรัศมีความโค้งงอที่รังสีเอกซ์ที่มีช่วงพลังงานกว้างซึ่งตกกระทบบนผลึกจะถูกแยกออกจากแสงซินโครตรอนและรวมกันอยู่ที่จุดรวมแสง เมื่อแถบรังสีเอกซ์ซึ่งถูกคัดแยกโดย EDM ส่องผ่านชิ้นงานตัวอย่างจะทำให้

พลังงานบางส่วนถูกดูดกลืนไป การตรวจวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของธาตุใช้อุปกรณ์ประเภทเซนเซอร์รับภาพ (NMOS linear image sensor) ทำการบันทึกรังสีเอกซ์ที่เหลือจากการดูดกลืนทุกค่าพลังงานไปพร้อม ๆ กันทำให้สามารถรู้ระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกสเปกตรัมต่อเนื่องสเปกตรัมลงเหลือต่ำกว่า 1 วินาทีจากเดิมต้องใช้เวลาเกินกว่า 5 นาทีสำหรับการวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ทั่วไป

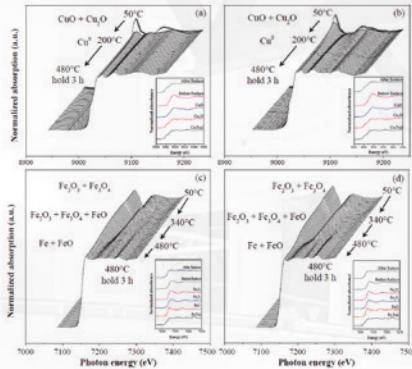
หลักการทางเทคนิค

การวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่สำคัญในการศึกษาสารในระดับอะตอม เช่นการบอกชนิดและสภาพแวดล้อมของอะตอม ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติการทำปฏิกิริยาของสาร หลักการของเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์คือการยิงรังสีเอกซ์ไปตกกระทบสารตัวอย่าง และวัดรังสีเอกซ์ที่ถูกดูดกลืนที่พลังงานต่างๆ ได้เป็นสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ชนิดและสภาพแวดล้อมของอะตอมในสารได้ เทคนิค BL2.2 จึงเป็นระบบลำเลียงแสงที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาและแบตเตอรี่ซึ่งมีความสำคัญ

ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ด้วยคุณลักษณะเด่นของสถานีทดลอง TRXAS ซึ่งสามารถวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว นั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งในนำมาประยุกต์ใช้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของตัวอย่างภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ (in-situ measurement) เช่น ภายใต้สภาวะความร้อน ความดัน และบรรยากาศของแก๊สเป็นต้น โดยที่สถานีทดลองมีอุปกรณ์ติดตั้งสารตัวอย่างที่สามารถให้ความร้อน พร้อมทั้งปล่อยแก๊สผ่านสารตัวอย่างเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาขณะทำการวัดได้

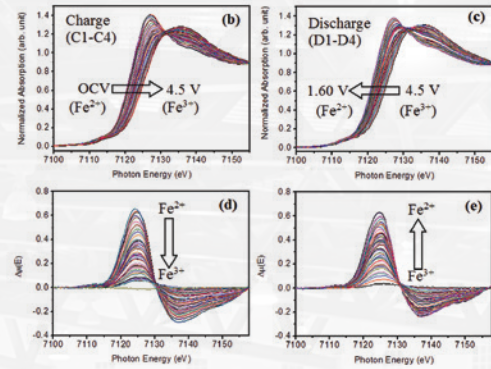
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเลขออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อให้ความร้อนภายใต้บรรยากาศแก๊สไฮโดรเจน



ภาพสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวเร่งปฏิกิริยา Fe และ Cu เมื่อถูกรีดิวซ์ด้วยแก๊สไฮโดรเจน (Energy Conversion and Management 159, 342-352, 2018)

การติดตามการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ระหว่างกระบวนการเติมประจุและปลดปล่อยประจุ



ภาพสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์แสดงการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของ Fe ในเซลล์แบตเตอรี่ระหว่างกระบวนการเติมประจุและคายประจุ (Adv. Energy Mater. 2015, 1500663, 2015)

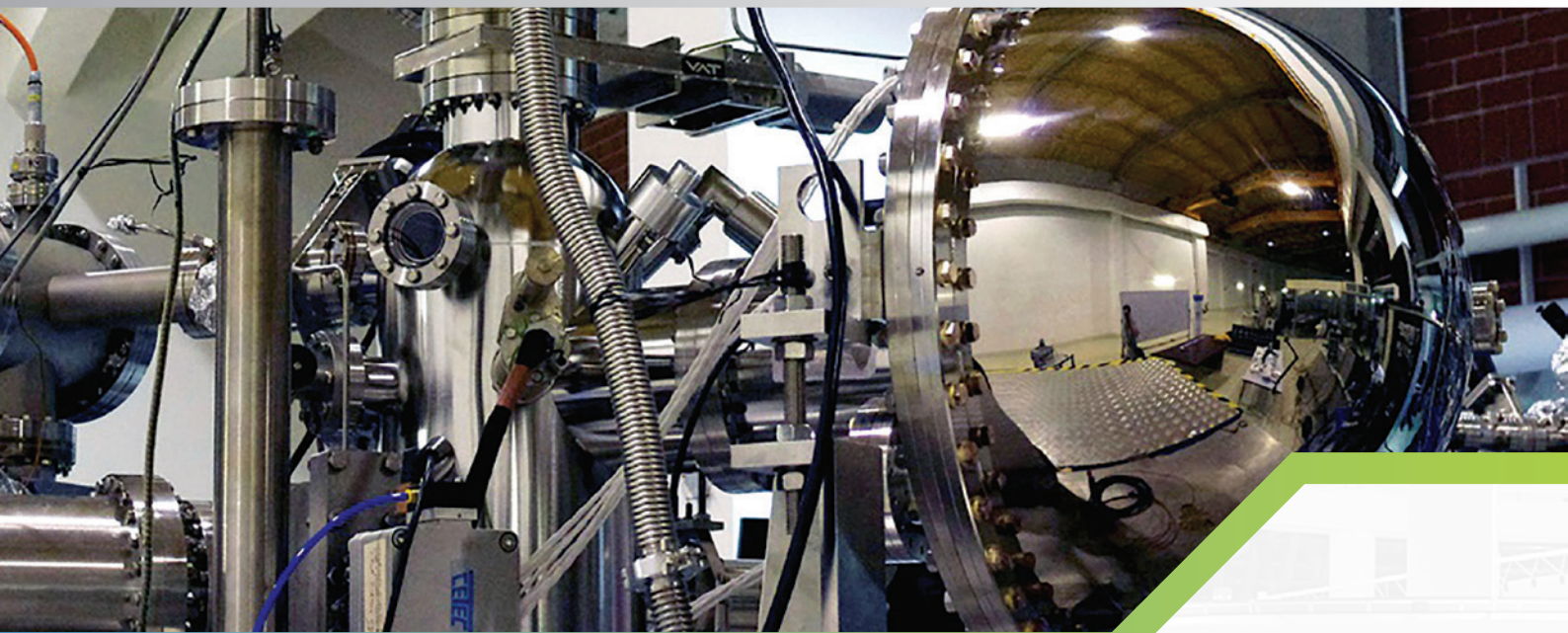
ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source	Bending magnet
Photon Energy Range	4-12 keV
X-Ray Beam Size	1 x 2 mm ²
X-Ray Techniques	XAS (transmission mode)
Detectors	NMOS linear sensor (1024 pixels) with Scintillator
Sample forms	Solid, liquid

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.ยิ่งยศ ภู่อารักษ์
ดร.วันวิสา ลิ้มพริตน์
น.ส.สุรางค์รัตน์ ต้นหลุมเลา

yingyot@slri.or.th
wanwisa@slri.or.th
surangrat@slri.or.th



Beamline 3.2Ua: ระบบการลำเลียงแสงการปลดปล่อยอิเล็กตรอน Photoelectron Emission Spectroscopy (PES)

ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ua: PES เป็นระบบลำเลียงแสงที่ใช้วัดพลังงานของอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยจากวัสดุที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงในย่านอุลตราไวโอเลตสูงและเอกซเรย์พลังงานต่ำ (VUV and soft X-ray) สามารถวิเคราะห์สถานะพลังงานของอิเล็กตรอนและกระบวนการในวัสดุที่นำไปสู่ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก การวัดความแตกต่างระหว่างพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและพลังงานของแสงที่ใช้กระตุ้นสามารถบ่งบอกถึงชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบบนผิวและบริเวณใกล้เคียงของตัวอย่างได้จากค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน คุณสมบัติเฉพาะตัวของเทคนิคสเปกโทรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอน คือ การวัดการกระจายเชิงมุมของโฟโตอิเล็กตรอนที่เป็นฟังก์ชันของโมเมนตัม

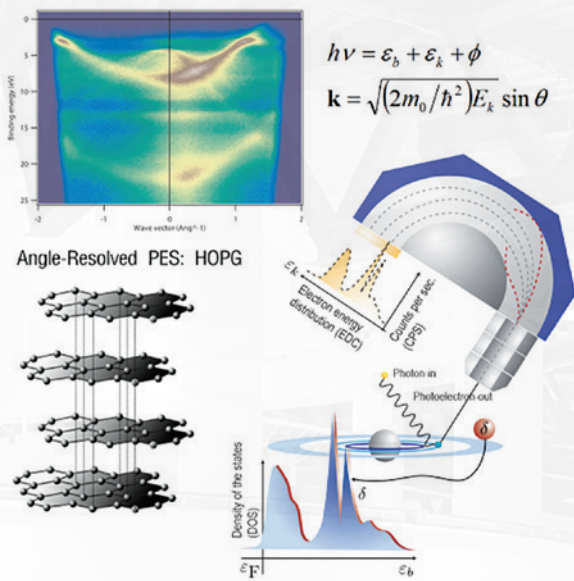
(Angle-resolved photoemission spectroscopy: ARPES) สามารถใช้ศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ ซึ่งนำมาสู่การวิจัยและพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ เช่น วัสดุสารกึ่งตัวนำยิ่งยวดที่เปลี่ยนจากวัสดุที่เป็นฉนวน โดยข้อมูลที่ได้จากเทคนิคโฟโตอิเล็กตรอน ได้แก่ การกระจายของแถบพลังงาน (Energy band dispersion) ค่าเวิร์คฟังก์ชัน (Work function) ค่าของช่องว่างระหว่างแถบพลังงานวาเลนซ์และระดับพลังงานเฟอร์มิ (Fermi energy level) ของรอยต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำและโลหะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์พลังงานต่ำในธาตุเบา เช่น คาร์บอน ออกซิเจน และไนโตรเจน เป็นต้น

หลักการทางเทคนิค

โฟโตอิเล็กตรอนเป็นเทคนิคการวัดอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากวัสดุโดยอาศัยการกระตุ้นโดยแสงอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นให้หลุดออกมาเรียกว่า โฟโตอิเล็กตรอน โดยอาศัยหลักการอนุรักษ์พลังงาน คือ พลังงานของแสงที่ใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อยโฟโตอิเล็กตรอน ($h\nu$) มีค่าเท่ากับผลรวมของค่าพลังงานจลน์ของ

โฟโตอิเล็กตรอน (E_K) ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน (E_B) และค่าพลังงานที่โฟโตอิเล็กตรอน ใช้ในการหลุดออกมาจากผิววัสดุ (ϕ_0) หรือเรียกว่า เวิร์คฟังก์ชัน ดังสมการ

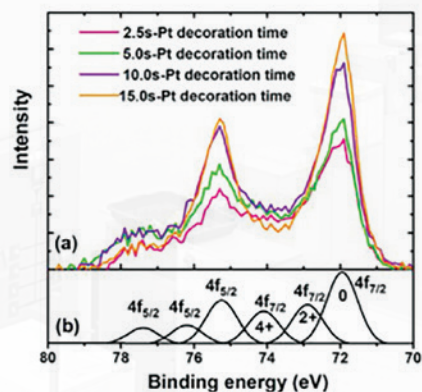
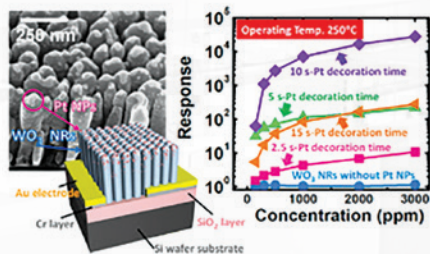
$$h\nu = E_K + E_B + \phi_0$$



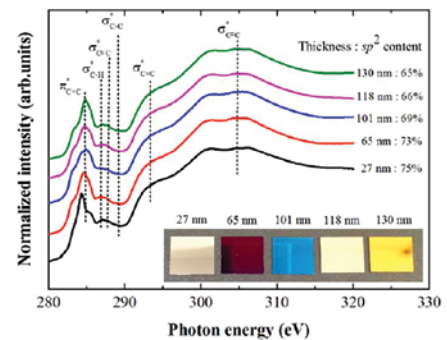
ค่าพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนที่ได้จากการวัดสามารถใช้ในการคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนซึ่งเป็นค่าพลังงานเฉพาะของอะตอมของธาตุแต่ละชนิด ทำให้สามารถระบุชนิดและปริมาณของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในตัวอย่างได้ และทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางเคมีของธาตุองค์ประกอบในตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ค่าเลขออกซิเดชัน (Oxidation number) หรือสถานะของพลังงานในแถบวาเลนซ์อิเล็กตรอน เมื่อเกิดการเลื่อนของค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนในสภาวะที่อะตอมข้างเคียงมีความแตกต่างกัน (Chemical shift) โดยทั่วไป เทคนิคโฟโตมิซชันจะเรียกชื่อเฉพาะต่างกันไปตามช่วงพลังงานของแสงที่ใช้ เช่น แสงที่ใช้กระตุ้นอยู่ในย่านเอกซเรย์จะเรียกว่าเทคนิค XPS และถ้าแสงที่ใช้อยู่ในย่านอัลตราไวโอเลตจะเรียกว่า UPS โดยข้อมูลที่ได้จากการวัดเทคนิคโฟโตมิซชัน จะอยู่ในรูปของสเปกตรัมพลังงานของอิเล็กตรอน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานวิจัย

NECTEC Dr. Mati et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 22051 (2014).

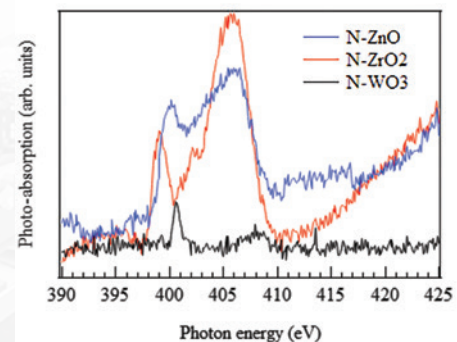


การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางทั้งสแตนด์ออลไซด์แบบแท่งนาโน สำหรับประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดก๊าซ



ศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มบางคาร์บอนเสมือนเพชร

Dr.Sarayut et al., Journal of Nanomaterials Vol. 2015, Article ID 276790.



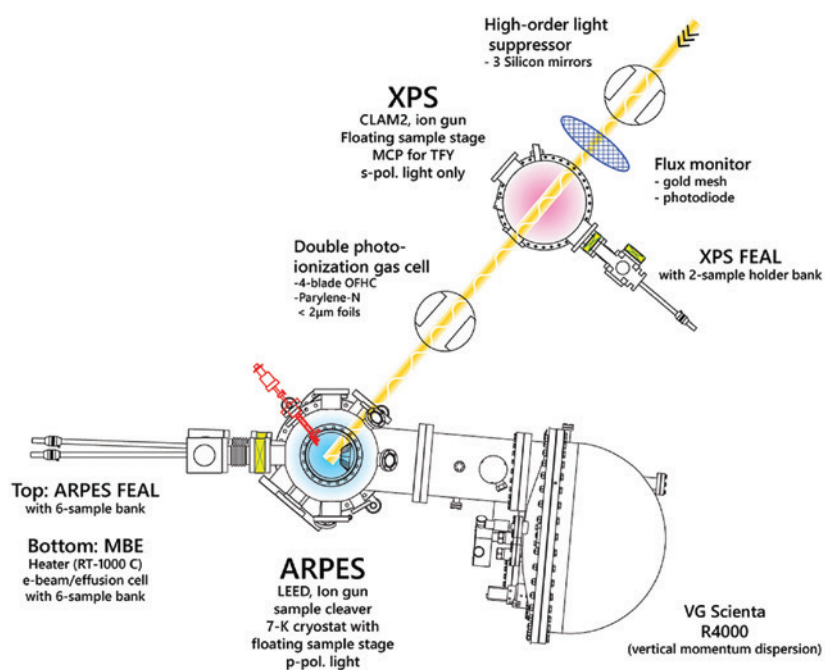
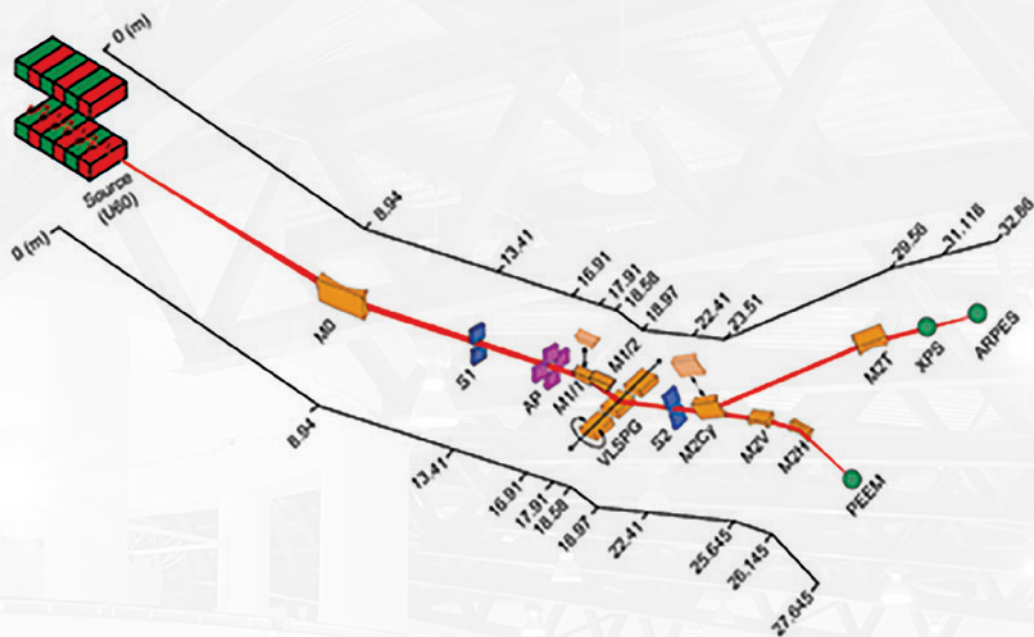
ศึกษาการเกิดออกซิเดชันของโลหะสังกะสีในสภาวะสุญญากาศในระดับที่สูงที่สุด (ultra high vacuum)

Dr. Hanggare et al., Environ. Sci. Pollut. Res. 23, 10177 (2016)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source	Undulator U60 (VLSPGM)
Photon Energy Range	40-160, 220-1040 eV
Photon Flux	1×10^{10} ph/s.
Energy Resolution	0.00001
Beam Size	0.3 mm (H) x 0.1mm (V)
Techniques	UPS, XPS, ARPES, NEXAFS
Detectors	Angle-resolved/intergral PES (SCIENTA R4000) Angle-intergral PES (CLAM2) TEY (drain current) & TFY (MCP) modes
Mode of operation	
Angle-resolved/intergral PES (SCIENTA R4000)	0.1-4.0 mm lens slits 1-10 & 20-200 pass energy ranges 1.8 meV FWHM at pass 2 & E_k 20 eV Acc. Angles +/-19 (transmission mode)
Angle-intergral PES (CLAM2)	100 mm mean radius analyser slit sizes 0.5, 1, 2, and 4 mm
Low-energy electron diffraction (LEED)	electron energy 1 keV
Molecular beam epitaxy (MBE) e-beam/effusion cells	
In-situ surface treatment	Ar ion sputtering (<3keV) LHe cryostat (<20K) UHP gas exposure (Ar, He, O ₂ , N ₂) Heater < 400 °C





ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.ฮิเดกิ นากาจิม่า

hideki@slri.or.th

ดร.รัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร

ratchadaporn@slri.or.th

ดร.ศรายุทธ ตันมี

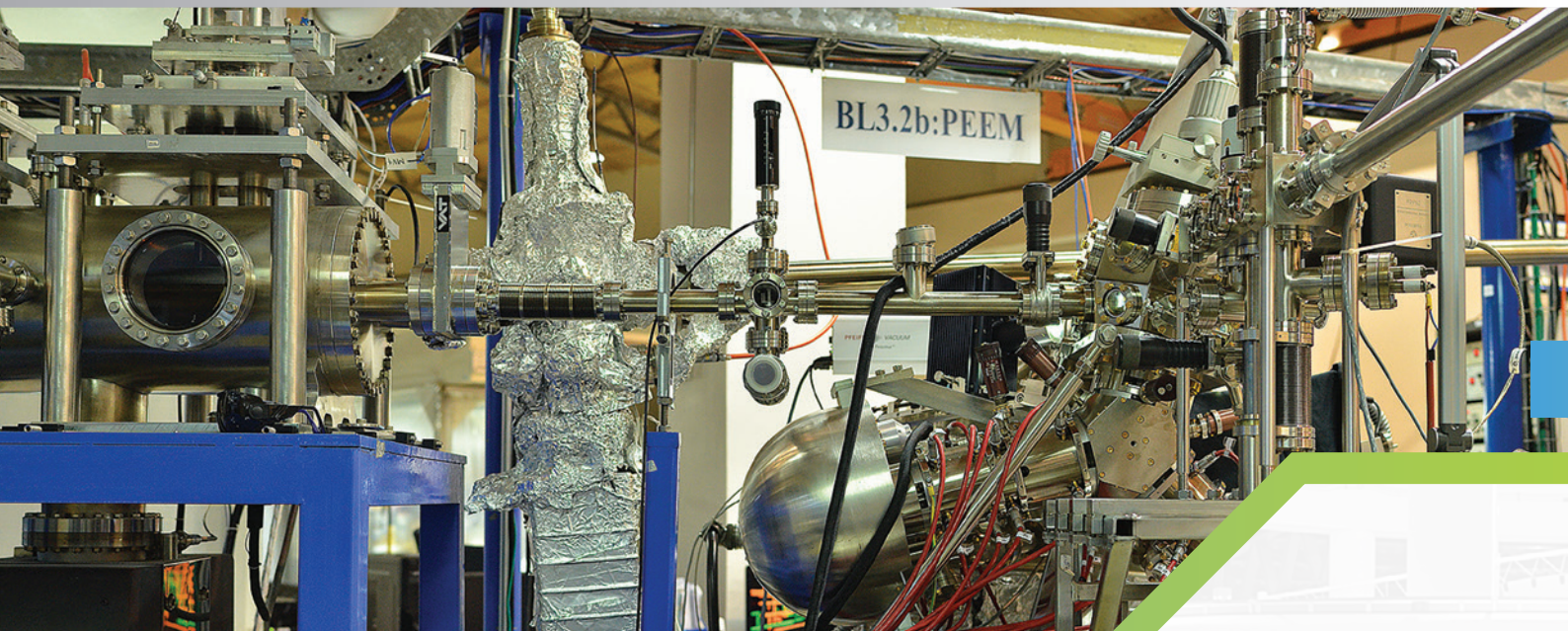
sarayut@slri.or.th

นายสุรเชษฐ์ รัตนสุพร

surachet@slri.or.th

นายวัชรพล เจนปียพงศ์

watcharaponj@slri.or.th



Beamline 3.2Ub: ระบบการลำเลียงแสงการถ่ายภาพ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโฟโตอิมิสชัน Photoelectron Emission Microscopy (PEEM)

ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ub: PEEM เป็นสถานีทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอนในการถ่ายภาพพื้นผิวของตัวอย่าง โดยให้ข้อมูลทั้งในลักษณะของภาพถ่ายของพื้นผิวที่มีความละเอียดสูง และข้อมูลทางเคมีของพื้นผิวในโดยอาศัยการวัดด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโกปี (X-ray photoelectron spectroscopy หรือ XPS) และการดูดกลืนแสงเอ็กซ์เรย์ (Near-edge x-ray absorption fine structure หรือ NEXAFS) โดยสามารถเลือกเก็บข้อมูลในบริเวณต่าง ๆ บนพื้นผิวของ ตัวอย่างได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนโหมดของการถ่ายภาพเป็นการใช้อิเล็กตรอนพลังงานต่ำเป็นแหล่งกำเนิด ทำให้ได้ข้อมูลของความแตกต่างของค่าเวิร์กฟังก์ชันและการแทรกสอดของลำอิเล็กตรอนเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างผลึกบนผิวตัวอย่างได้ โดยเทคนิคที่ใช้ลำอิเล็กตรอนนี้เรียกว่า Low-energy electron microscopy หรือ LEEM

หลักการทางเทคนิค

- เป็นสถานีทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอนในช่วงรังสีเอกซ์พลังงานต่ำฉายลงบนผิวของตัวอย่าง เพื่อสร้างโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากผิวหน้าของตัวอย่าง
- ใช้เลนส์สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเพื่อโฟกัสลำอิเล็กตรอนและสร้างเป็นภาพถ่ายที่มีกำลังขยายสูง มีความละเอียดในระดับนาโนเมตรบนจอรับภาพ
- ใช้ระบบคัดแยกพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน (Electron energy analyzer) เพื่อสร้างเป็นสเปกตรัม XPS แบบเลือกบริเวณ

- สแกนพลังงานของแสงซินโครตรอนโดยอุปกรณ์โมโนโครเมเตอร์ของระบบลำเลียงแสง เพื่อสร้างสเปกตรัมการดูดกลืน NEXAFS ซึ่งสเปกตรัมนี้จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะและองค์ประกอบทางเคมีในแต่ละบริเวณในภาพ
- สามารถเปลี่ยนแหล่งกำเนิดจากแสงซินโครตรอนเพื่อใช้อิเล็กตรอนพลังงานต่ำฉายลงบนผิวตัวอย่างแทน เพื่อถ่ายภาพในโหมดของ LEEM หรือศึกษาารูปแบบการแทรกสอดของอิเล็กตรอนที่บริเวณต่าง ๆ บนภาพ โดยเทคนิคที่เรียกว่า Low- energy electron diffraction หรือ LEED

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

- การศึกษาการเกิดฟิล์มบางแบบเรียลไทม์ โดยสามารถเห็นการเคลือบของฟิล์มที่มีความหนาในระดับชั้นอะตอม หรือโมเลกุลฟิล์มที่ปลูกนั้นสามารถเป็นได้ทั้งสารที่เป็นโลหะหรือสารอินทรีย์ บางประเภท
- ศึกษาการเกิดขึ้นของวัสดุเล็กสองมิติเช่นกราฟีนและเฮกซะกอนนอลโบรอนไนไตรด์ (h-BN) และการเกิดปฏิกิริยาของผลึกสองมิติต่าง ๆ ที่สภาวะต่าง ๆ กัน
- ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาระหว่างผิวของโลหะหรือสารอื่นที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา กับก๊าซที่ปล่อยเข้าไปในระบบทดลอง (ระดับความดันไม่สูงกว่า 10^{-5} mbar)
- ทำแผนภาพค่าเวิร์คฟังก์ชันของผิวของวัสดุต่าง ๆ ทำให้ทราบความแตกต่างในการหนาทนทานการกัดกร่อนของโลหะผสม

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source	Soft x-ray
Photon Energy Range	มีพลังงานตั้งแต่ 40-1040 eV
Photon Flux	Resolving power: 10,000 @flux 1×10^{10} phs.
Energy Resolution	0.00001
X-Ray Beam Size	100 x 500 ไมครอน
X-Ray Techniques	micro-XPS, micro-NEXAFS, micro-ARPES, work function mapping
Detectors	Electron energy analyser, microchannelplate, low-noise digital camera หรืออื่นใดตามที่ BL ต้องการเพิ่มเติม

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.พัฒน์ โพธิ์ทองคำ

pat@slri.or.th

ดร.ชนรรค์ เชื้อรักสกุล

chanan@slri.or.th

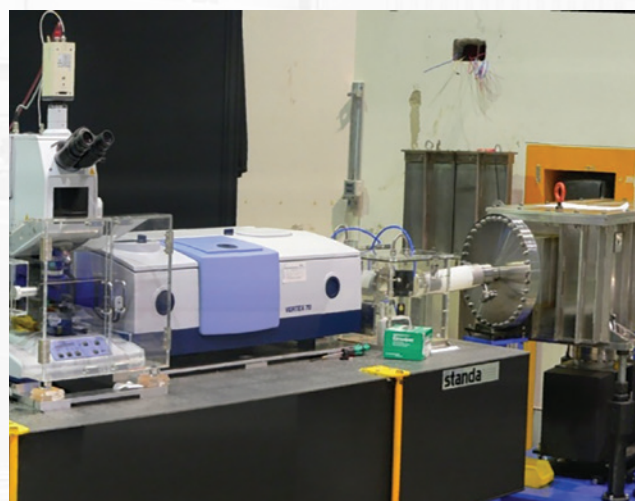
น.ส.ทิพย์อุษา วงศ์พิณีจ

thipusa@slri.or.th



Beamline 4.1: ระบบลำเลียงแสงการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด Infrared Spectroscopy and Imaging (IR)

ระบบลำเลียงแสง 4.1: IR ออกแบบมาเพื่อใช้ Edge and Bending magnet radiation จากเครื่องกำเนิดแสงสยามที่มีค่าพลังงานของอิเล็กตรอน 1.2 GeV โดยสามารถวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรดและการสร้างแผนภาพการดูดกลืนแสงอินฟราเรดในช่วงความยาวคลื่น $4000 - 100 \text{ cm}^{-1}$ เทคนิคนี้ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบเกี่ยวกับโมเลกุลของสาร โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับการสั่น (vibration) ของโมเลกุล การนำแสงซินโครตรอนย่านพลังงานอินฟราเรดมาใช้กับเทคนิค IR spectroscopy ร่วมกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ หรือที่เรียกว่า Synchrotron radiation-based IR microspectroscopy ทำให้การวิเคราะห์ตัวอย่างมีความละเอียดเชิงพื้นที่ถึงระดับ $10 \times 10 \text{ ไมครอน}^2$ ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ระบบลำเลียงแสง IR beamline ที่ BL 4.1

หลักการทางเทคนิค

เทคนิคด้าน Infrared (IR) Spectroscopy เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบเกี่ยวกับโมเลกุลของสาร โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับการสั่น (Vibration) ของโมเลกุลแสงอินฟราเรดช่วงกลาง ($2.5\text{--}25\ \mu\text{m}$) มีความถี่ตรงกับความถี่การสั่นของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลของสาร เมื่อตัวอย่างได้รับพลังงานจากคลื่นรังสีอินฟราเรดที่พอเหมาะ จะเกิดการสั่นของโมเลกุลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ขั้วคู่ (dipole moment) ของโมเลกุล ทำให้โมเลกุลเกิดการดูดกลืนแสงแล้ววัดแสงที่ส่งผ่านออกมาแสดงผลเป็นความสัมพันธ์ของความถี่หรือ Wavenumber (cm^{-1}) กับค่าการส่งผ่านของแสงเรียกว่า IR Spectrum ซึ่งลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะโมเลกุลของสาร จึงสามารถดูดกลืนแสงอินฟราเรดได้ที่ความถี่ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของพันธะและน้ำหนักอะตอมของ Functional Group ในโมเลกุลนั้นๆ

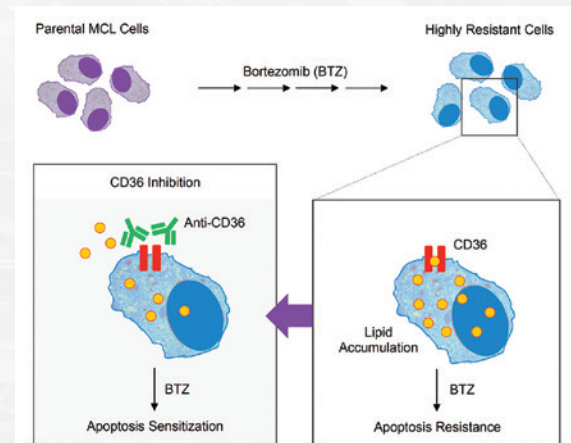
การนำแสงซินโครตรอนย่านพลังงานอินฟราเรดมาใช้กับเทคนิค Infrared Spectroscopy ร่วมกับการใช้กล้องจุลทรรศน์หรือที่เรียกว่า Synchrotron radiation-based IR microspectroscopy เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิค Infrared Spectroscopy ให้มีความสามารถนำไปใช้ตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก หรือตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่ำมาก ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติของแสงซินโครตรอนที่ให้ ความเข้มและความสว่างจ้าของแสงสูงกว่าแหล่งกำเนิดแสงทั่วไปมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีอัตราส่วนระหว่างสัญญาณและสัญญาณรบกวน (signal/noise ratio) ที่ดีขึ้น โดยไม่สูญเสียรายละเอียดเชิงพื้นที่ (spatial resolution) และยังช่วยลดระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ เมื่อเทียบกับการใช้ Conventional IR source

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

- การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแท้ของสายพันธุ์ไก่ โดยใช้เทคนิค Synchrotron IR microscopy ระหว่างไก่เนื้อโคราช ไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้าและไก่พื้นเมือง พบว่าไก่เนื้อโคราชมีปริมาณโปรตีนที่สูง ปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าไก่ทั้งสองสายพันธุ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการตลาดได้ทันที และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปศึกษาต่อเพื่อใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงไก่หรือในกรณีที่จะพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กรรมของไก่



- มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นมะเร็งชนิดที่มีอัตราการรอดชีวิตต่ำที่สุดโรคหนึ่ง เนื่องจากผู้ป่วยส่วนมากมักไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด เทคนิคนี้มีความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ โดยสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล เช่น โปรตีน ไกลโคโปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิกและจำแนกความแตกต่างระหว่างเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่มีระดับการดื้อยาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในกลไกการต้านทานต่อยาเคมีบำบัดของเซลล์มะเร็งที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต



- การศึกษาคุณภาพเนื้อสุกรจากสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้เทคนิค Synchrotron IR microscopy ซึ่งให้ข้อมูลโครงสร้างระดับพหุติของโปรตีน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการย่อย โดยการจำลองระบบย่อยอาหารภายในร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เข้าใจถึงบทบาทของการใช้ประโยชน์โปรตีนอย่างเต็มที่ อีกทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อสุกรให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการผู้บริโภคและเพื่อให้ได้เนื้อสุกรที่มีคุณภาพด้านคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด

- การศึกษากลไกของสูตรสำเร็จกรดซาลิไซลิก (Ricemate) ในการกระตุ้นความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในข้าว โดยประยุกต์ใช้เทคนิค SR-IR microspectroscopy เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลภายในเนื้อเยื่อใบข้าว โดยผลการทดสอบพบว่าหลังปลูกเชื้อสาเหตุโรค โดยพบว่าสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ใบข้าว เช่น ไขมัน และ โปรตีน มีปริมาณสูงขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มที่ถูกกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงของสารเหล่านี้ ข้าวในกลุ่มที่มีการฉีดสารกระตุ้น สูตรสำเร็จกรดซาลิไซลิกสามารถลดอัตราการเกิดโรคได้สูงถึง 60% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ดังนั้นเพื่อการควบคุมดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรจึงต้องนำปุ๋ยและสารกระตุ้นมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดอัตราการเกิดโรค การนำสารเคมีมาใช้โดยปราศจากการควบคุมที่ดีส่งผลให้เกิดการตกค้างในผลผลิตและในดิน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคและลดการใช้สารเคมี เกษตรกรจึงให้ความสนใจศึกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคในพืชโดยใช้สารกระตุ้นที่ไม่ตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Photon Energy Range	Between 0.01-0.5 eV
Wavelength	2.5-100 microns
Source	Edge and Bending Magnet Radiation
Objective	36X Schwarzschild Objective 20X ATR Objective
Spectrometer/microscope	Vertex 70 spectrometer/Hyperion 2000 microscope
Polarization	Both linearly (bending magnet radiation) and radially polarized (edge radiation)
Beam size at sample	10X10 μm^2
Detector	100 micron Narrow band MCT
Mode of measurement	Reflection, Transmission Attenuated Total Reflectance (ATR)

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.กาญจนา ธรรมนุ

kanjanat@sri.or.th

ดร.สุพัชรี ศิริวงศ์

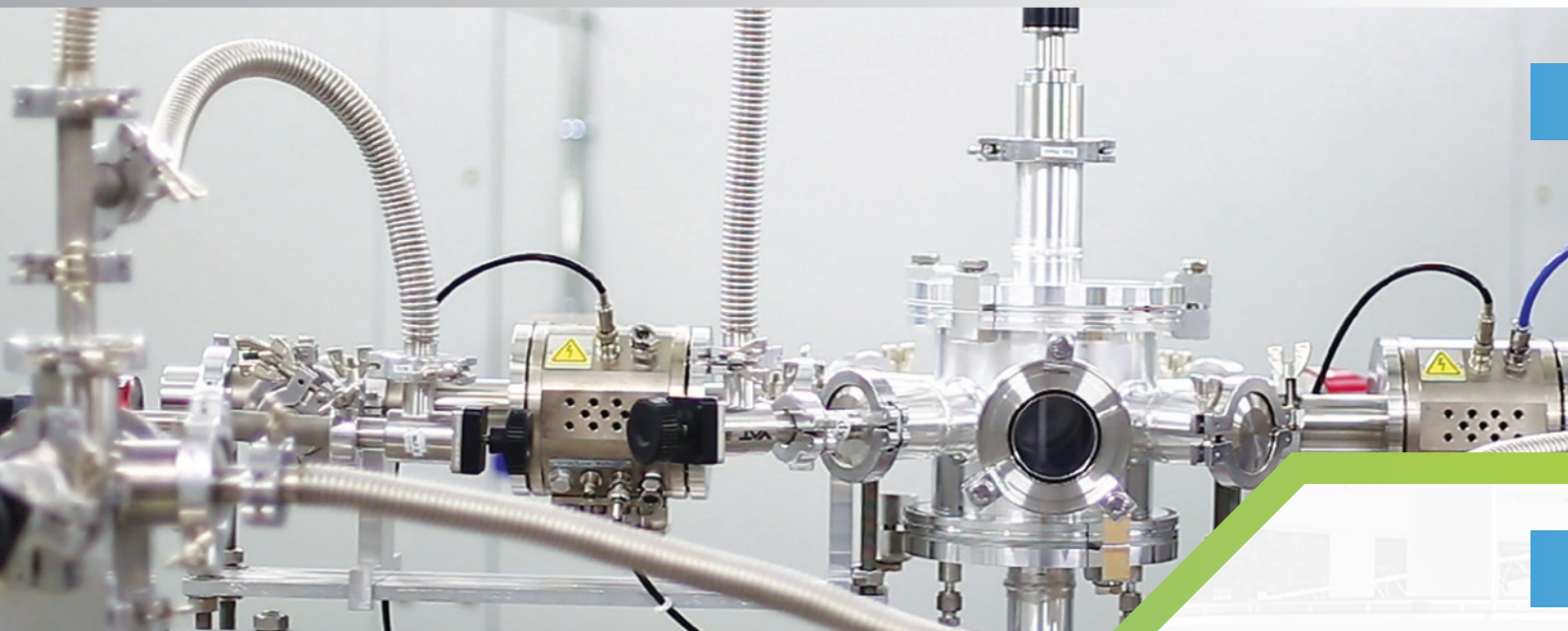
supatcharee@sri.or.th

ดร.บัวบาน ก้าวประเสริฐ

buabarn@sri.or.th

น.ส.ดวงใจ ศรีสมุทร

duangjai@sri.or.th



Beamline 5.1WB: ระบบลำเลียงแสงอาเซียน

XAS - ASEAN (IAEA supported)

ระบบลำเลียงแสงอาเซียนให้บริการเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ และเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ ซึ่งแตกต่างจากระบบลำเลียงแสงอื่นคือใช้รังสีเอกซ์ที่ผลิตจากอุปกรณ์แทรกสอดชนิดตัวนำยิ่งยวดที่มีความเข้มสนามแม่เหล็ก 3.5 T ซึ่งให้รังสีเอกซ์ที่ครอบคลุมช่วงพลังงาน 4-25 keV และมีความเข้มแสงที่สูงเหมาะสำหรับการใช้การศึกษาโครงสร้างระดับอะตอมและองค์ประกอบทางเคมีของธาตุต่าง ๆ โดยระบบลำเลียงแสงนี้ปัจจุบันยังอยู่ในระยะการทดสอบและเตรียมความพร้อมของระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง คาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมจากผู้ใช้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นให้บริการแก่ผู้ใช้จากกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2564



ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์และการเรืองรังสีเอกซ์ที่ให้บริการสามารถใช้ในการศึกษาคุณสมบัติของธาตุองค์ประกอบที่สนใจในตัวอย่าง (ซึ่งสามารถใช้ได้กับตัวอย่างในสภาพของแข็ง ของเหลวของ สารละลาย) ได้แก่ การศึกษาสถานะทางออกซิเดชันของธาตุที่สนใจ การศึกษาโครงสร้างโดยรอบของอะตอม (ความยาวพันธะ ชนิดของอะตอมที่อยู่รอบๆ เป็นต้น) เป็นเทคนิคที่สามารถใช้กับงานวิจัยหลากหลายสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไปจนถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์เช่น งานวิจัยทางวัสดุศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดี รวมถึงการประยุกต์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source	3.5 T Superconducting Multipole Wiggler (SMPW),
Photon Energy Range	4-25 keV
Photon Flux	10^{11} ph/s @10 keV for Si (311) (calculated)
Energy Resolution	10^{-4} for Si (111) and 10^{-5} for Si (311) (calculated)
X-Ray Beam Size	$1 \times 1 \text{ mm}^2$ (calculated)
X-Ray Techniques	X-ray Absorption Spectroscopy (XAS), X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) *** under commissioning, will be available to users in 2021
Detectors	Ionization chamber, Silicon drift detector (SDD)
Detectable elements	Energy of X-rays from ASEAN beamline covers K-edge from Ca to Pd and up to the L-edge of U

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.สมชาย ต้นขรากรณ์

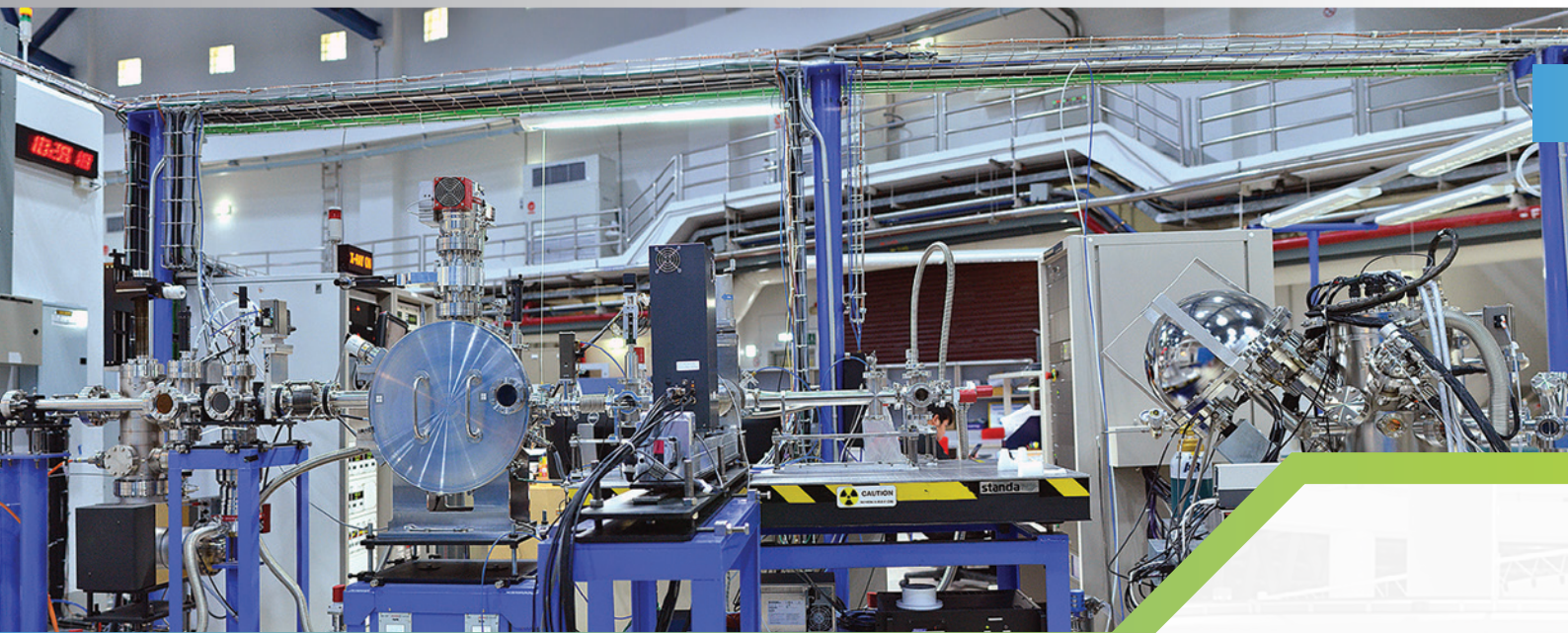
somchai@slri.or.th

ดร.นิชาดา เจียรนัยกุล

nichada@slri.or.th

ดร.รัชฎาภรณ์ ททรัพย์เรืองเนตร

ratchadaporn@slri.or.th



Beamline 5.2: มทส. - นานโนเทค - สช. เทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ X-ray Absorption Spectroscopy (SUT-NANOTEC-SLRI XAS Beamline)

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีร่วมวิจัย มทส.-นานโนเทค-สช. เพื่อการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy หรือ XAS)

หลักการทางเทคนิค

หลักการของเทคนิค XAS คือการฉายรังสีเอกซ์ที่ผ่านพลังงานต่าง ๆ ตั้งแต่ 1,240 ถึง 12,100 อิเล็กตรอนโวลต์ ผ่านเครื่องคัดกรองพลังงานแสงแบบผลึกคู่ ไปยังสารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ด้วยแสงซินโครตรอนที่มีความเข้มโปรตอน ในช่วง 10^9 - 10^{10} อนุภาคต่อวินาที สามารถใช้วิเคราะห์สถานะทางเคมีและโครงสร้างระดับอะตอมของธาตุที่กำลังวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคนี้ไม่ทำลายสารตัวอย่างและสามารถประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหลากหลายสาขา เช่น วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและโบราณคดี อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์วัสดุได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว

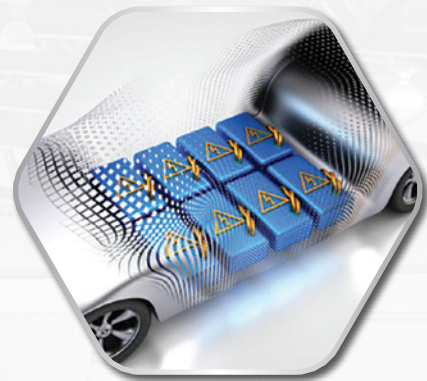
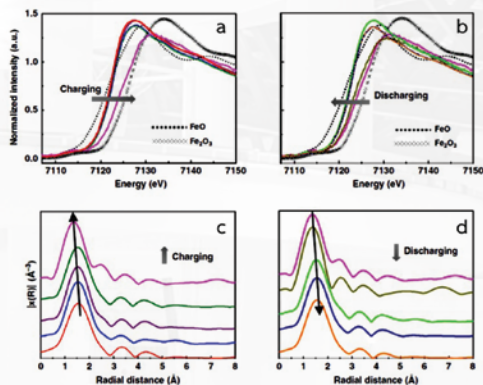
ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 สามารถวัดตัวอย่างที่อยู่ในรูปของแข็งผง หรือของเหลว เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุในเชิงสถานะทางเคมีและโครงสร้างระดับอะตอมได้ ผู้ใช้บริการเทคนิค XAS สามารถดำเนินการทดลองได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงโดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำการทดลองดังต่อไปนี้

- การเตรียมตัวอย่างชนิดผงหรือของเหลว
- การวัดสเปกตรัมด้วยเทคนิค XAS แบบส่องผ่านหรือเรืองแสง
- การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรม Athena และ หรือ Artemis

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

ในปัจจุบันเทคนิค XAS ได้เป็นที่นิยมใช้พิสูจน์เอกลักษณ์วัสดุประเภทต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในงานวิจัยเพื่อวิชาการอุตสาหกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้เทคนิค XAS โดยมีความร่วมมือกับระบบลำเลียงแสงที่ 5.2 พร้อมแหล่งอ้างอิง ดังต่อไปนี้

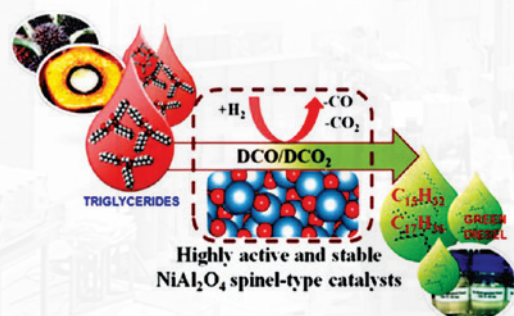
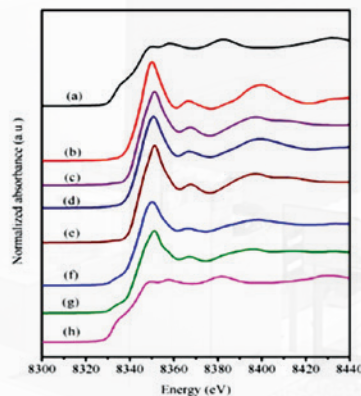
- การศึกษาประสิทธิภาพการเก็บประจุไฟฟ้าของธาตุเหล็ก (Fe) ในสารประกอบ $\text{Li}_2\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2$ เพื่อนวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน¹



¹ Yao, W. et al. An oxalate cathode for lithium ion batteries with combined cationic and polyanionic redox. Nat. Commun. 3483, 1–9 (2019) doi:10.1038/s41467-019-11077-0

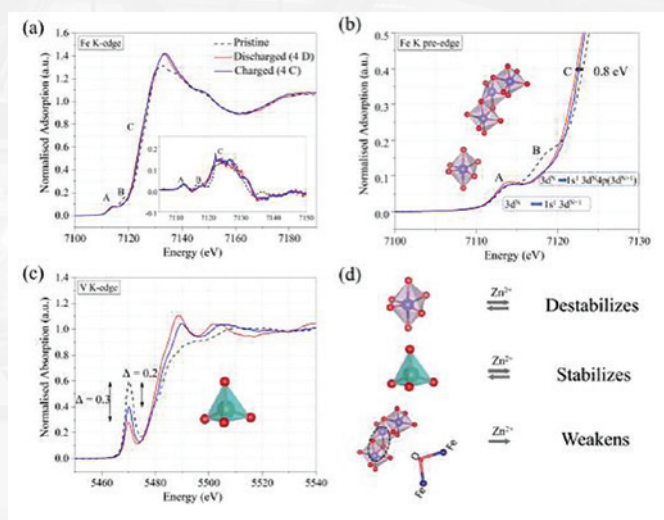
- การศึกษาสถานะทางเคมีของธาตุนิกเกิล (Ni) ที่ถูกเจือในตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชันในกระบวนการเปลี่ยนน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันดีเซลซึ่งมีความต้องการและมูลค่าสูง โดยสเปกตรัมได้ถูกบันทึกสำหรับธาตุนิกเกิล (ขอบการดูดกลืน K) ที่อุณหภูมิต่างๆ ตั้งแต่ 300 ถึง 1073 K²

- (a) Ni foil
- (b) NiO,
- (c) NiAl_2O_4
- (d) $\text{NiO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$
- (e) NiAl_2O_4
- (f) $\text{Ni}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ at 773 K
- (g) NiAl_2O_4 at 923 K
- (h) NiAl_2O_4 at 1073 K



² Srifa, A. et al. NiAl_2O_4 spinel-type catalysts for deoxygenation of palm oil to green diesel. Chem. Eng. J. 345, 107–113 (2018). DOI:10.1016/j.cej.2018.03.118

- การศึกษาสถานะทางเคมีและอะตอมข้างเคียงของธาตุเหล็ก (Fe) และวานาเดียม (V) ที่ขอบการดูดกลืน K ในระหว่างการรับจ่ายประจุไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของขั้วแคโทด FeVO₄ ของแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ประเภทซิงก์ไอออน³



³ Kumar S. et al. Multiscalar Investigation of FeVO₄ Conversion Cathode for a Low Concentration Zn(CF₃SO₃)₂ Rechargeable Zn-ion Aqueous Battery. Batteries & supercaps (2020). <https://doi.org/10.1002/batt.202000018>

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source	Bending magnet
Photon Energy Range	1,240 eV – 12,100 eV
Photon Flux	10 ⁸ -10 ¹⁰ count·s ⁻¹ at 100 mA
Energy Resolution	2×10 ⁻⁴ eV
X-Ray Beam Size	13 mm (L) × 1 mm (W) for transmission mode 20 mm (L) × 1 mm (W) for fluorescence mode
X-Ray Techniques	X-ray absorption spectroscopy and X-ray fluorescence
Detectable elements	Transmission with Ion chambers (>5%.wt) and Fluorescence with 4-Channel Silicon Drift (SDD) (50-100 ppm)

ตารางแสดงชนิดของธาตุที่สามารถตรวจวัดได้

1 13.6 H																	2 24.6 He																			
3 54.7 Li	4 111.5 Be																	5 188 B	6 284.2 C	7 409.9 N	8 543.1 O	9 696.7 F	10 870.2 Ne													
11 1070.8 Na	12 1303 Mg																	13 1559 Al	14 1839 Si	15 2146 P	16 2472 S	17 2822 Cl	18 3206 Ar													
19 3609 K	20 4039 Ca	21 4492 Sc	22 4966 Ti	23 5465 V	24 5989 Cr	25 6539 Mn	26 7112 Fe	27 7709 Co	28 8333 Ni	29 8979 Cu	30 9659 Zn	31 10367 Ga	32 11103 Ge	33 1324 As	34 1434 Se	35 1550 Br	36 1678 Kr	37 1804 Rb	38 1940 Sr	39 2080 Y	40 2223 Zr	41 2371 Nb	42 2520 Mo	43 2677 Tc	44 2838 Ru	45 3004 Rh	46 3173 Pd	47 3351 Ag	48 3538 Cd	49 3730 In	50 3929 Sn	51 4132 Sb	52 4341 Te	53 4557 I	54 4786 Xe	
55 8012 Cs	56 8247 Ba	57 8483 La	72 9561 Hf	73 9881 Ta	74 10207 W	75 1883 Re	76 1960 Os	77 2040 Ir	78 2122 Pt	79 2206 Au	80 2295 Hg	81 2389 Tl	82 2484 Pb	83 2580 Bi	84 2683 Po	85 2787 At	86 2892 Rn	87 3000 Fr	88 3105 Ra	89 3219 Ac	104 Rf	105 Ha	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt										
Lanthanides		59 5723 Ce	59 5964 Pr	60 6208 Nd	61 6459 Pm	62 6716 Sm	63 6977 Eu	64 7243 Gd	65 9659 Tb	66 7790 Dy	67 8071 Ho	68 8358 Er	69 8648 Tm	70 8944 Yb	71 9244 Lu																					
Actinides		90 3332 Th	91 3442 Pa	92 3552 U	93 3664 Np	94 3775 Pu	95 3890 Am	96 4009 Cm	97 4127 Bk	98 4247 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr																					

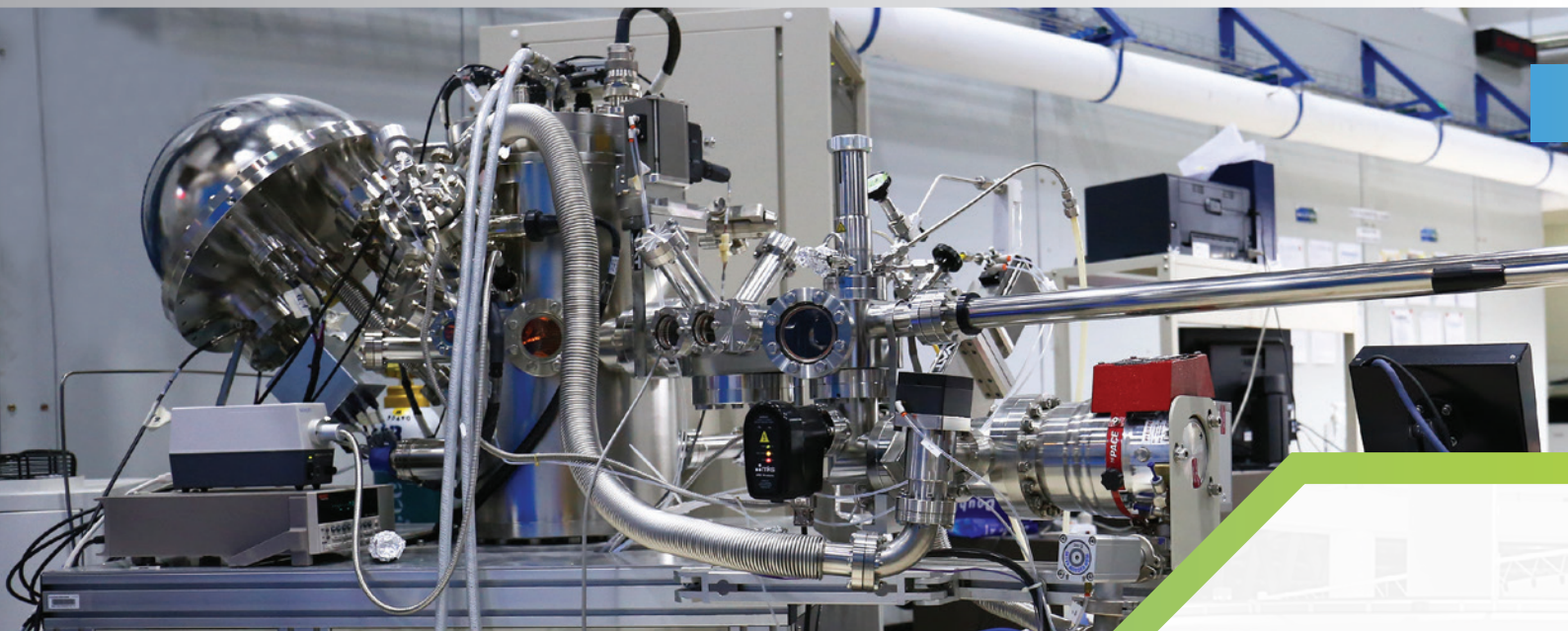
ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.พินิจ กิจขุนทด

pinit@slri.or.th

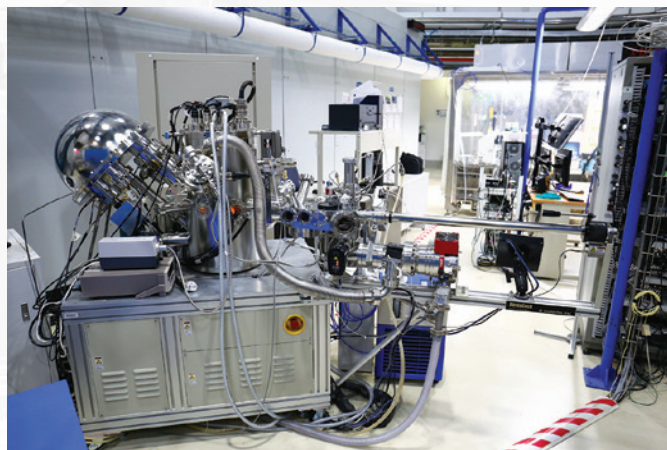
ดร.สุจินดา สัตยาพร

suchinda@slri.or.th



Beamline 5.3: มทส. - นานอทেক - สช. เทคนิคสเปกโตรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนโดยรังสีเอกซ์ X-ray Photoelectron Emission Spectroscopy (SUT-NANOTEC-SLRI XPS Beamline)

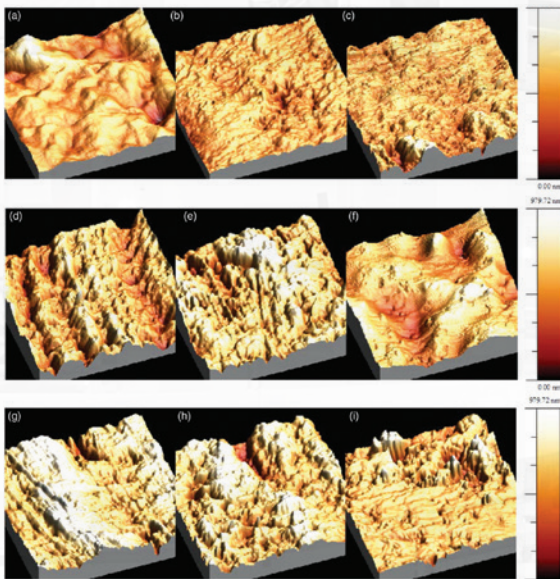
ระบบลำเลียงแสงที่ 5.3 เป็นระบบลำเลียงแสงที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (SLRI) เพื่อนำแสงซินโครตรอนมาใช้ในเทคนิคสเปกโตรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนโดยรังสีเอกซ์ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์บริเวณพื้นผิวของวัสดุ สามารถประยุกต์ใช้กับวัสดุนาโนและวัสดุอื่นๆ หลากหลายชนิดเช่น โลหะ สารกึ่งตัวนำ พลาสติก และแก้ว



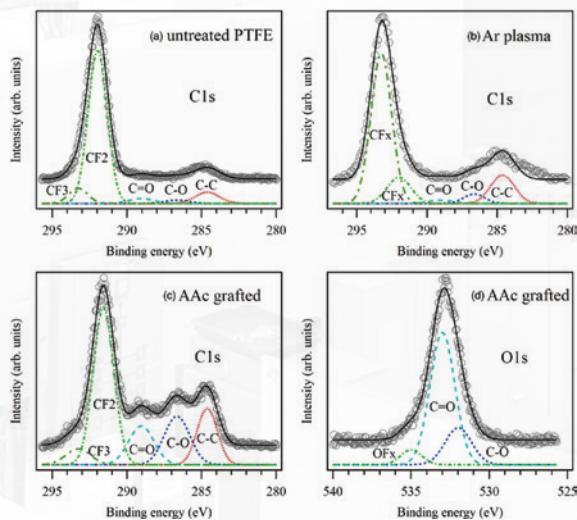
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

- ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเพื่อช่วยในการปรับปรุงพื้นผิวของแผ่นโพลีเมอร์ polytetrafluoroethylene (PTFE) โดยแผ่นโพลีเมอร์ PTFE เป็นวัสดุที่มีการนำมาใช้งานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในทางการแพทย์ แต่เนื่องจากแผ่นโพลีเมอร์ดังกล่าวมีคุณสมบัติความชอบน้ำ(wettability) และการยึดติด (adhesion strength) ที่ไม่ดี นักวิจัยจึงพยายามใช้เทคนิคพลาสมา (plasma treatment) และเพิ่มสารตัวอื่นเข้าไปเพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติดังกล่าว และใช้เทคนิค X-ray photoelectron spectroscopy ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในการปรับปรุงพื้นผิว

ที่มา: Japanese Journal of Applied Physics 58, SAAC02 (2019): Grafting of acrylic acid onto microwave plasma-treated polytetrafluoroethylene (PTFE) substrates



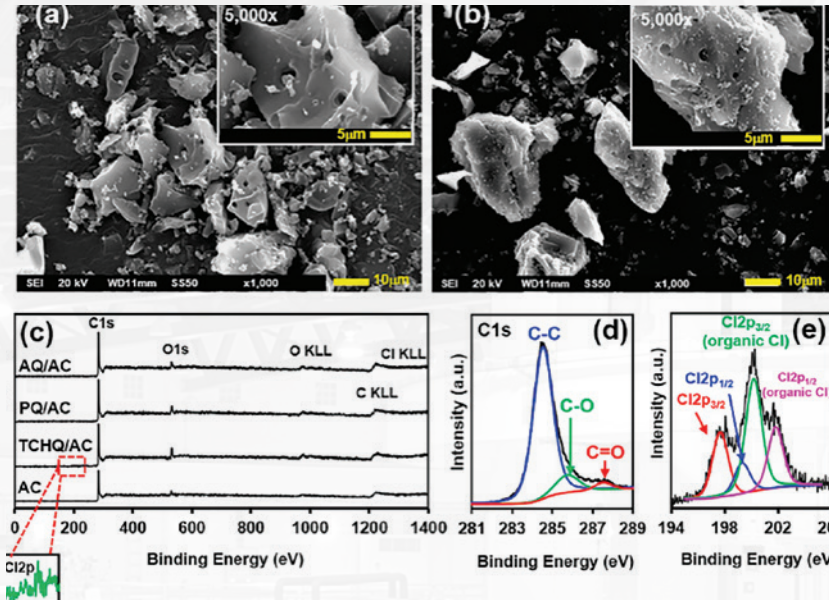
ภาพที่ 1.1 แสดงพื้นผิวดำอย่างของแผ่นโพลีเมอร์ PTFE (a) ก่อนและ (b)-(c) หลังปรับปรุงพื้นผิว



ภาพที่ 1.2 แสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยเทคนิค XPS ของแผ่นโพลีเมอร์ PTFE (a) ก่อนและ (b)-(d) หลังปรับปรุงพื้นผิว

- ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของถ่านกัมมันต์ (activated carbon) จากเปลือกมะพร้าวเพื่อใช้เป็นขั้วสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด (supercapacitor)

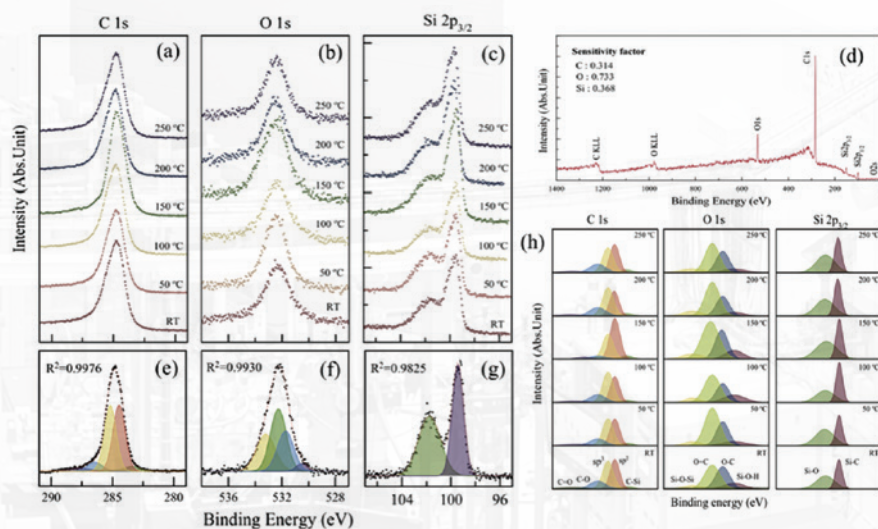
ที่มา: Applied Surface Science 491 (2019) 784–791, Enhancement performance of carbon electrode for supercapacitors by quinone derivatives loading via solvent-free method



ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงพื้นผิวตัวอย่างและองค์ประกอบทางเคมี โดยเทคนิค XPS ของถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ที่เตรียมจากเปลือกมะพร้าว

- ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของการเคลือบฟิล์มบางเสมือนเพชร (DLC)

ที่มา: Radiation Physics and Chemistry, 2019, 108271, Synchrotron-based NEXAFS analysis of thermal-treated diamond-like carbon films



ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยเทคนิค XPS ของการเคลือบฟิล์มบางเสมือนเพชร (DLC)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

XPS end-station model	PHI5000 Versa Probe II Scanning XPS Microprobe (ULVAC-PHI)
Synchrotron source	Underconstruction
Laboratory source	Micro-focused scanning X-ray, Al K α , 1486.6 eV
X-Ray Beam Size	10-100 μm^2
Detectors	High resolution 180° spherical electron analyser (16 Channel)
Ion Source	Ar ⁺ Ion (0.5 – 5 KeV)
Charge compensation	Dual beam charge neutralisation
Gas reactor	Temperature control from RT to 800°C (static mode)/ 500°C (dynamic mode)

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก narong@slri.or.th

ดร.สุภิญญา นิพนธ์ supinya@slri.or.th



Beamline 6: ระบบลำเลียงแสงการอาบรังสีเอกซ์ Deep X-ray Lithography (DXL)

ระบบลำเลียงแสงที่ 6: DXL เป็นหนึ่งในระบบลำเลียงแสงของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์ สำหรับสร้างโครงสร้าง 3 มิติ ในระดับไมโครเมตร จำพวกอุปกรณ์และชิ้นส่วนขนาดเล็ก (micro parts) ชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ระบบลำเลียงยังมีห้องปฏิบัติการทางด้าน microsystems technology ที่สามารถรองรับการสร้างเป็นอุปกรณ์จำพวก Sensors, ตัวขับเคลื่อน หรือ actuators, และโครงสร้างในการจัดการของไหลในระดับไมโครลิตร (microfluidics) เป็นต้น

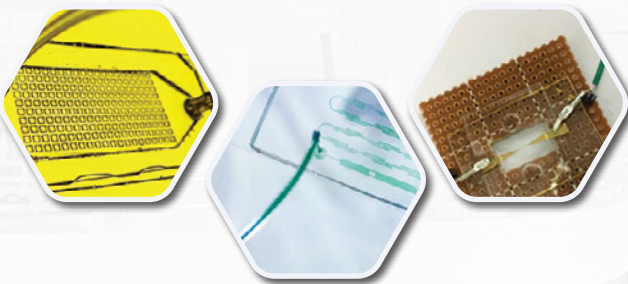
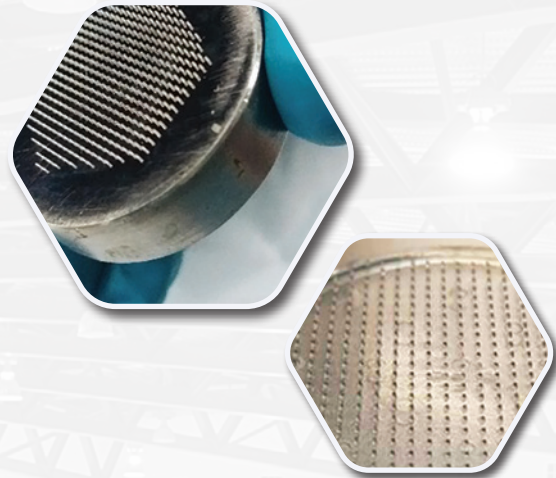
หลักการทางเทคนิค

แสง X-ray ที่ได้จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนจะถูกฉายลงบนหน้ากากกันรังสี (Photomask) ซึ่งเป็นส่วนที่กำหนดลวดลายของโครงสร้าง 3 มิติที่เราออกแบบขึ้นมาและต้องการถ่ายทอดลงบนสารไวแสง หน้ากากกันรังสีจะทำหน้าที่คัดเลือกบริเวณที่ให้แสงผ่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับลวดลายของโครงสร้างที่เราต้องการสร้างนั้น ๆ เมื่อแสง X-ray ทะลุทะลวงผ่านบริเวณที่แสงสามารถผ่านได้ แสงจะไปทำปฏิกิริยากับสารไวแสงหรือ Photoresist

เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดโครงสร้างที่เราต้องสร้าง โดยสารไวแสงนี้จะทำปฏิกิริยากับแสงและเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางโมเลกุล และเมื่อถูกล้างออกด้วยน้ำยาล้างขึ้นรูป ก็จะทำให้เกิดโครงสร้าง 3 มิติตามที่เรากำหนด และยังสามารถนำไปเป็นแม่พิมพ์ของโครงสร้างนั้นต่อไป ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า X-ray Lithography

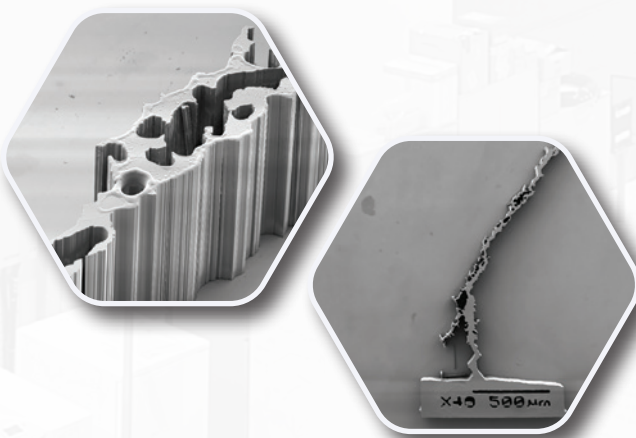
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

- การพัฒนาเข็มฉีดยาขนาดจิ๋ว (Microneedles) ด้วยกระบวนการ X-ray Lithography ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการนำส่งตัวยาผ่านได้ผิวหนังที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจากการใช้เข็มฉีดยาแบบเดิมในด้านการลดความเจ็บปวดได้ เนื่องจากปลายเข็มจะแทงทะลุเฉพาะผิวหนังชั้นบนสุด และการนำส่งยาจะถูกควบคุมให้ส่งผ่านไปยังชั้นหนังกำพร้าแล้วแพร่กระจายไปยังเส้นเลือดโดยไม่ระคายเคืองต่อเส้นประสาทได้ผิวหนัง ซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บปวด อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงการถูกทำลายของยาที่ทางเดินอาหารอันเนื่องมาจากการเป็นกรดของกระเพาะอาหารหรือเอนไซม์ต่าง ๆ



- การพัฒนาห้องปฏิบัติการบนชิป (Lab on a chip) สำหรับคัดแยกเซลล์สืบพันธุ์ของวัว ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการ X-ray Lithography ในการสร้างช่องทางการไหลในระดับไมโครเมตร เพื่อตอบสนองต่อฟังก์ชันการทำงานของห้องปฏิบัติการบนชิป ในการคัดแยกเซลล์สืบพันธุ์ของวัว

- การพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเบลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา



- การจำลองรอยแตกร้าวในโลหะ เป็นการใช้กระบวนการ X-ray Lithography ในการสร้างรอยแตกร้าวที่มีขนาดเล็กในระดับไมโครเมตรภายในวัสดุชนิดโลหะ สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับเครื่องมือตรวจวัดรอยแตกร้าวในวัสดุต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Electron energy	1.2 GeV
Transmitted band-pass spectrum	2 keV - 8 keV
Source	1.44 T Bending magnet
Horizontal of beam size	89 mm
Vertical of beam size (not bending mirror, P=0.0 MPa)	5.3 mm
Vertical of beam size (bending mirror, P=0.3 MPa)	3.5 mm
Photoresist thickness	5 μm - 1300 μm for SU-8 5 μm - 500 μm for PMMA
Mask-photoresist rotation	$\pm 60^\circ$
Scanning speed (vertical speed)	2.87 mm/sec
Scanning length	-60 mm to +60 mm

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.พัฒน์พงษ์ จันทร์พวง

pattanaphong@slri.or.th

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล

rungrueang@slri.or.th

นายกันตกณ พิมล

kantapon@slri.or.th

นายวัชรพล ภูมรา

watcharapon@slri.or.th

นายเกียรติศักดิ์ ศรีโสม

kriettisak@slri.or.th



Beamline 7.2W: ระบบลำเลียงแสงฟลักศาสตร์ Macromolecular Crystallography (MX)

ระบบลำเลียงแสง 7.2W: MX เป็นระบบลำเลียงแสงที่ออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์พลังงานสูง (8,000 – 13,000 eV) สำหรับการศึกษาหาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนและโมเลกุลอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับอะตอมโดยอาศัยเทคนิค X-ray crystallography การทราบถึงโครงสร้างในระดับอะตอม ทำให้นักวิจัยสามารถเข้าใจการทำงานของโปรตีนได้อย่างละเอียด และนำไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ด้านต่างๆ ได้

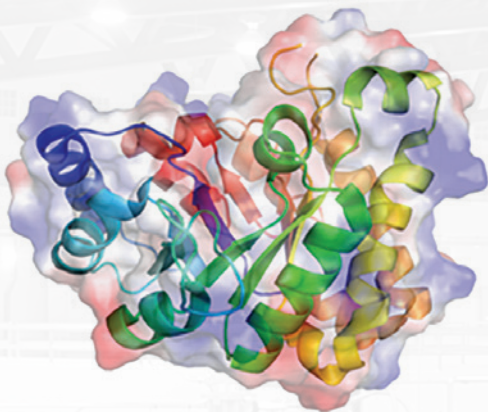
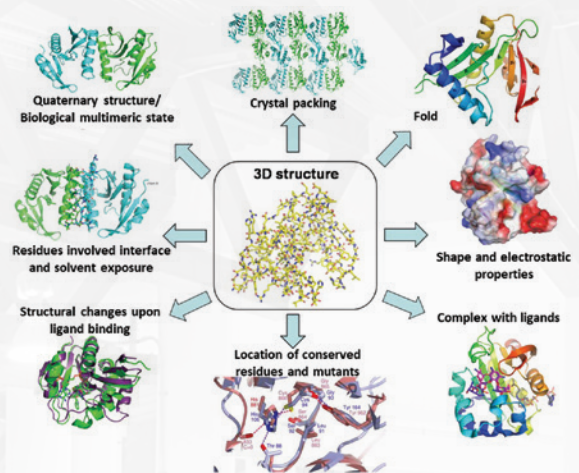
หลักการทางเทคนิค

ในการศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนด้วยเทคนิค Protein Crystallography จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างผลึกโปรตีน (Protein Crystal) ซึ่งทางสถาบันฯ มีห้องปฏิบัติการตกผลึกที่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในขั้นตอนการตกผลึกจากสารละลายโปรตีนบริสุทธิ์ (Purified Protein) จากนั้นนำผลึกโปรตีนที่ได้ไปยิงด้วยรังสีเอกซ์ที่สถานีทดลอง และเก็บข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่ออกจากผลึกโปรตีน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการหาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนชนิดนั้นต่อไป

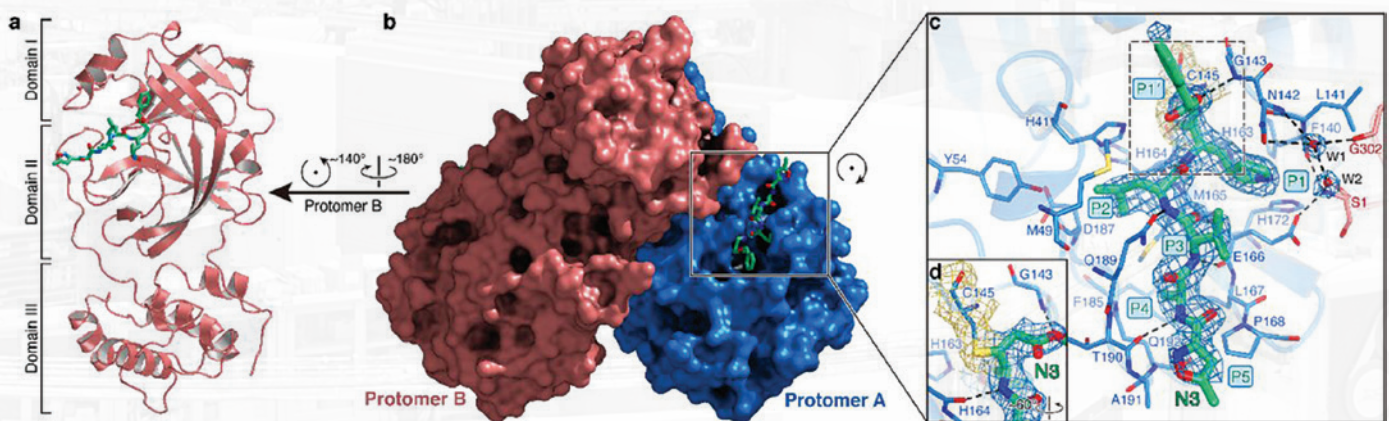


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

เทคนิค Protein Crystallography เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีน ทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเรียงตัวหรือการขดม้วน (folding) ของโปรตีนนั้น เมื่อเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การศึกษากลไกการเกิดโรคต่าง ๆ การพัฒนายา หรือวัคซีน และการพัฒนาเอนไซม์ที่มีความสำคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ



การศึกษาโครงสร้างของเอนไซม์ triosephosphate Isomerase จากเชื้อ *Leishmania siamensis* ซึ่งเป็นโปรโตซัว หรือปรสิตชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคในคน



การศึกษาโครงสร้างของเอนไซม์ COVID-19 virus main protease (M^{pro}) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัส นักวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนายาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นี้ จากภาพเป็นโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ จับกับ N3 ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจะนำไปพัฒนาเป็นยารักษาต่อไป (ที่มา: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2223-y>)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source:	6.5-Tesla superconducting wavelength shifter
Photon Energy Range:	8-13 keV
Photon Flux (full beam)	3.34×10^{10} phs/s @100 mA (12.658 keV)
X-Ray Beam Size	200 × 200 μm
X-Ray Techniques	Macromolecular Crystallography
End-station	martdb with single-axis goniometer system
Detector	Rayonix SX 165 CCD
Cryogenic system	100K with Oxford 700 series cryostream cooler
Crystal-to-detector distance	40-390 mm

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำแสง

ดร.ชมนนุช ส่งศิริฤทธิกุล

chomphunuch@slri.or.th

ดร.จิตริน ชัยประภา

jitrin@slri.or.th

ดร.จักรีรดา ยัตตรัตยา

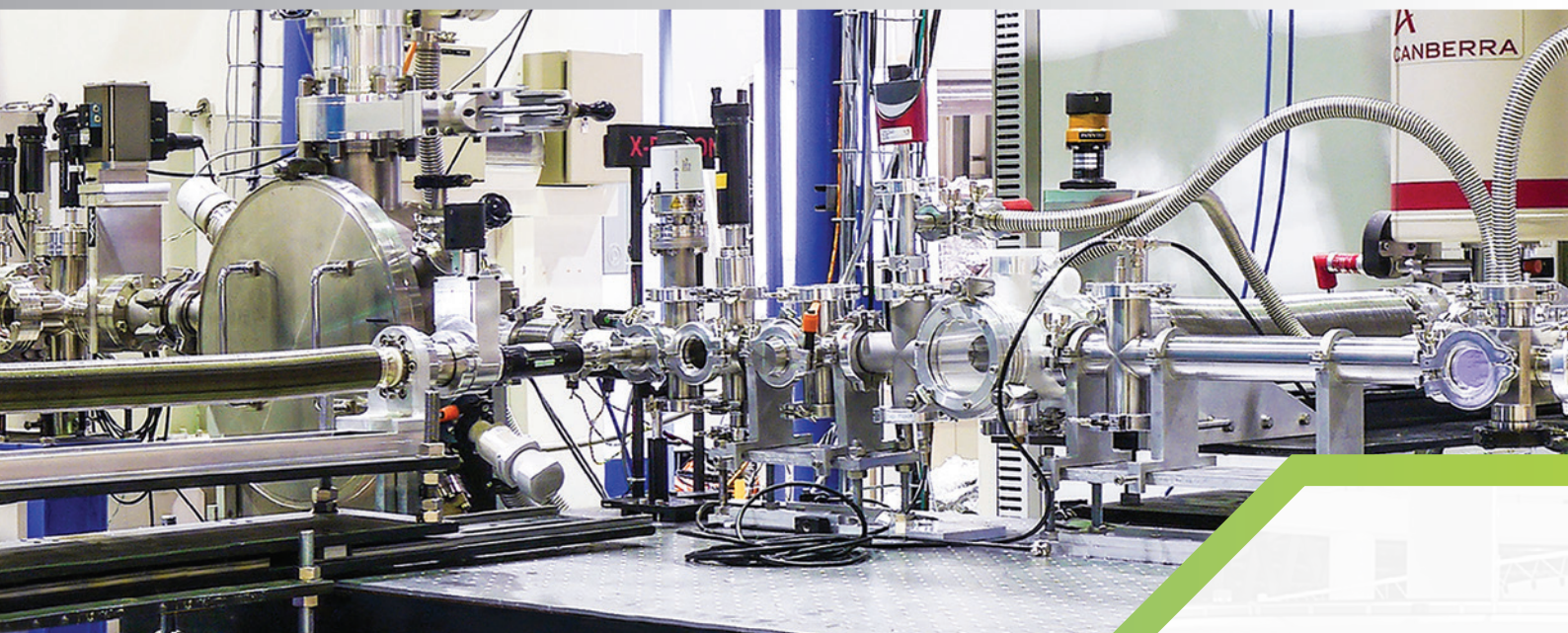
jakrada@slri.or.th

ดร.รัตนา เจริญวัฒนาเสถียร

ratana@slri.or.th

น.ส.นฤมล ไม้ทอง

narumol@slri.or.th



Beamline 8: ระบบลำเลียงแสง สเปกโตรสโคปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ X-ray Absorption Spectroscopy (XAS)

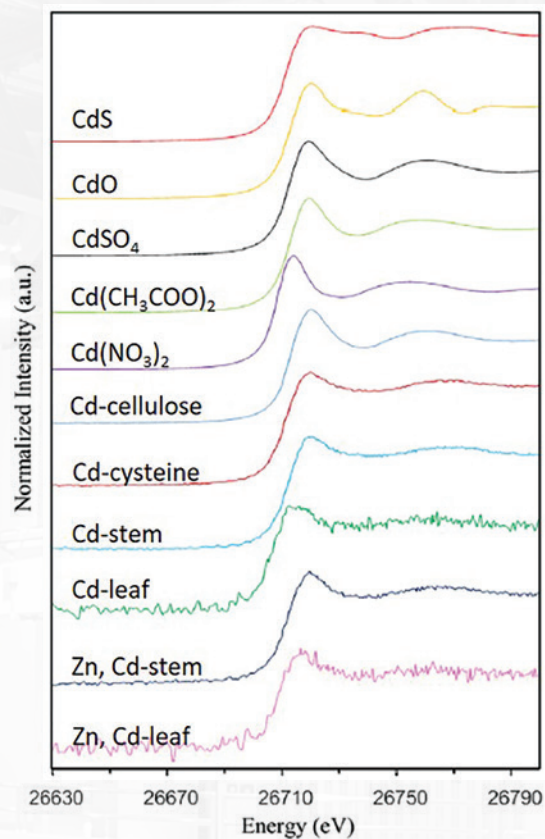
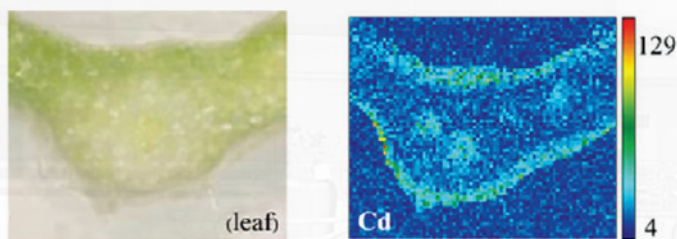
ระบบลำเลียงแสงที่ 8: XAS เป็นระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน ในย่านพลังงานรังสีเอกซ์ (1 keV-13 keV) มีสถานีทดลองที่ 1 สำหรับเทคนิคสเปกโตรสโคปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy, XAS) เพื่อศึกษาการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของธาตุได้หลายชนิดในตัวอย่าง ตั้งแต่ (ตามลำดับเลขอะตอม) Sodium ถึง Selenium (K-edge absorption), Bromine ถึง Lead (L-edge absorption) และ Bismuth ถึง Californium (M-edge absorption) สถานีทดลองที่ 2 ให้บริการสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพการเรืองรังสีเอกซ์สนามเต็ม (Full-field X-ray fluorescence imaging, FXI) สามารถถ่ายภาพ X-ray fluorescence (XRF) ของธาตุในตัวอย่างได้ตั้งแต่ Potassium ถึง Zinc (K_{α} and K_{β}) และ Cadmium ถึง Tantalum (L_{α} and L_{β}) ภาพถ่ายความละเอียดเชิงพื้นที่สูง

หลักการทางเทคนิค

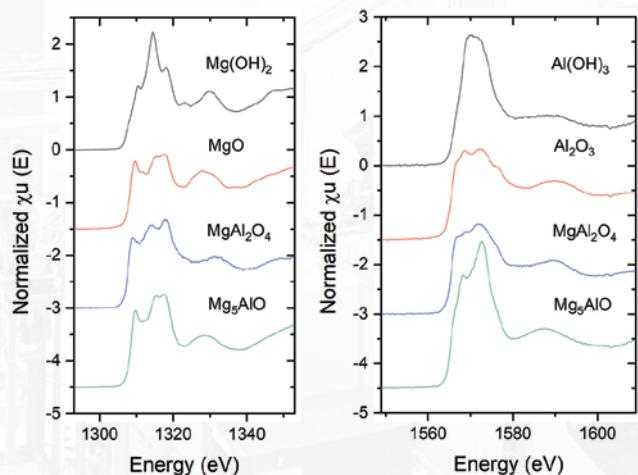
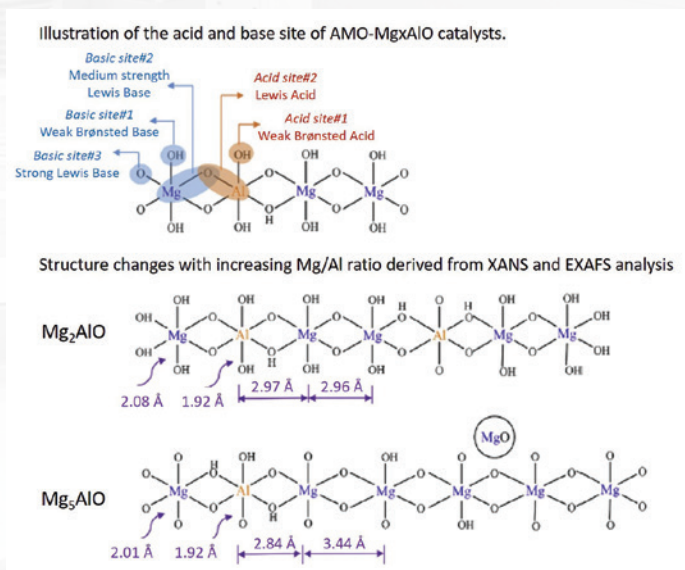
เทคนิค XAS ใช้แสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์พลังงาน ตั้งแต่ 1 keV ถึง 13 keV กระตุ้นธาตุองค์ประกอบของตัวอย่างวัสดุให้ดูดกลืนรังสีและวัดสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ปริมาณการดูดกลืนรังสีเอกซ์เปลี่ยนแปลงไปกับพลังงานของรังสีเอกซ์ทำให้รูปร่างของสเปกตรัมมีความเฉพาะเจาะจงกับโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic structure) ในอะตอมของธาตุนั้น และตำแหน่งอะตอมอื่น ๆ ที่อยู่ล้อมรอบ (Local atomic structure) เทคนิคนี้จึงสามารถวิเคราะห์สถานะทางเคมี และโครงสร้างในระดับอะตอมได้เป็นอย่างดี เช่น เลขออกซิเดชัน พันธะเคมี ชนิดและจำนวนอะตอมรอบข้าง และระยะห่างระหว่างอะตอม เป็นต้น

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

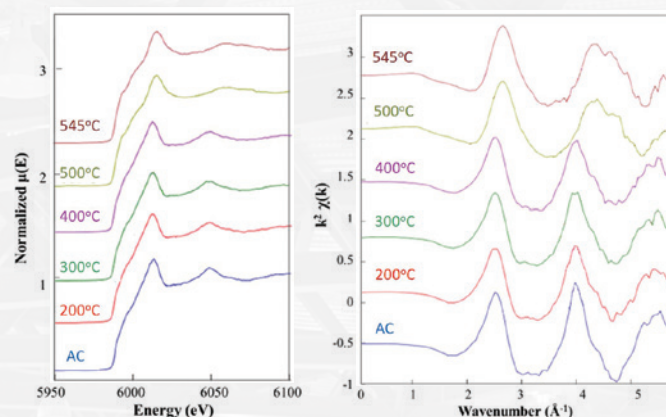
งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาต้นว่านมหากาฬที่สามารถดูดซับสารละลายสังกะสีซัลเฟตและแคดเมียมซัลเฟต ในการจำลองสารตกค้างจากเหมืองแร่ซึ่งเป็นพิษต่อธรรมชาติและมนุษย์ ภาพ XRF ของลำต้นและใบแสดงให้เห็นว่าต้นว่านจะสะสมธาตุสังกะสีและแคดเมียมไว้ที่เนื้อเยื่อชั้นนอกสุด เทคนิค XAS ถูกนำมาใช้ศึกษาสถานะเคมีของสังกะสีและแคดเมียมที่สะสมในลำต้นและใบของต้นว่าน พบว่าสารละลายสังกะสีและแคดเมียมที่ถูกดูดซับด้วยต้นว่านส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็นสารประกอบอินทรีย์ ทำให้เข้าใจกลไกหลักของต้นว่านที่สามารถเติบโตได้ในดินที่ปนเปื้อนสังกะสีและแคดเมียม นำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาโลหะหนักตกค้างในดินด้วยการปลูกต้นว่านมหากาฬ (Mongkhonsinet al., Plant Physio. Biochem., 2016, 109, 549-560)



งานวิจัยด้านสารเร่งปฏิกิริยาเคมี เช่น การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันของกรดเบนโซอิกและ 2-ethylhexanol ด้วยวิธี Aqueous miscible organic solvent-Layered double hydroxides โดยปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของ Mg ต่อ Al ของตัวเร่งปฏิกิริยา ใช้เทคนิค XAS วิเคราะห์สถานะเคมีและโครงสร้างอะตอมของ Mg และ Al ซึ่งพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้จะมีปริมาณของสารประกอบออกไซด์ที่แตกต่างกัน และมีโครงสร้างอะตอมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Mg และ Al ซึ่งมีผลต่อความแรงของกรดและเบส ทำให้สามารถพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันของกรดเบนโซอิกและ 2-ethylhexanol ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้ (Kuljiraseth et al., Appl. Catal B: Environ., 2019, 243, 415-427)



งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เช่น ศึกษาการเกิดนิวเคลียสผลึกของโครเมียมในโลหะผสม AISi₃ ที่ผ่านขบวนการอบชุบในการพัฒนาสมบัติเชิงกลของโลหะผสม ใช้เทคนิค XAS วิเคราะห์เลขออกซิเดชัน และโครงสร้างอะตอมของโครเมียมในโลหะผสม AISi₃ ซึ่งพบว่าเลขออกซิเดชันจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิในการอบชุบเพิ่มสูงขึ้น แต่โครงสร้างผลึกของโครเมียมเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้อุณหภูมิมากกว่า 400 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างผลึกของโครเมียมในโลหะผสมที่ผ่านขบวนการชุบแข็ง (Al₁₃(SiCr₄)) และไม่ผ่านขบวนการชุบแข็ง ทำให้เข้าใจถึงกลไกความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นในโลหะผสม AISi (Tocci et al., J. Alloy Compd., 2018, 742, 555-562)



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Radiation Source:	1.44 Tesla Bending magnet of 1.2 GeV synchrotron machine
Photon Energy Range:	1 keV-13 keV
Photon Flux	10° photons/s/100mA at 10 keV, 2×10 ¹¹ photons/s/100mA at 2 keV
Energy Resolution	4×10 ⁻⁴
X-Ray Beam Size	13 mm (W) x 2 mm (H) at normal incidence
X-Ray Techniques	X-ray absorption spectroscopy (XAS) and full-field XRF imaging (FXI)
XAS detector	7-element, 13-element Si drift detectors; 13-element Ge detector
FXI detector	pnCCD X-ray camera
XAS measurement time	15 min/element (> 5%wt), 1-3hr/element (< 0.1%wt)
FXI measurement time	1-8 hr/sample

ติดต่อผู้ดูแลระบบลำเลียงแสง

ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ
ดร.เพ็ญพิชชา อมรวัชรกิจ

wantana@slri.or.th
penphitcha@slri.or.th

น.ส.ศุภานัน ลากบุญเรือง
น.ส.ชนากานต์ ชลสุข
นางวีรญา วงษ์เตปา

supanun@slri.or.th
chanakan@slri.or.th
weeraya@slri.or.th

A close-up photograph of a server rack. A hand is visible on the right side, with the index finger pressing a button on one of the server units. The server units are black with various ports and indicators. Some indicators are lit with yellow light. The background is slightly blurred, showing more of the server rack.

การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

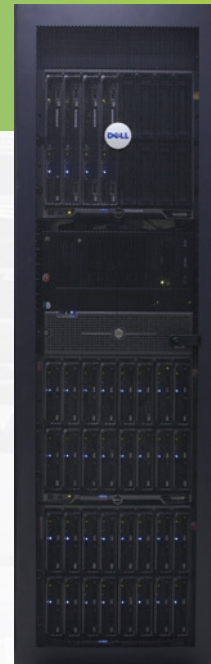
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับสนับสนุนการคำนวณ โครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี (Computational Materials Physics, CMP)

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สำหรับสนับสนุนการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี ณ ปัจจุบันใช้การคำนวณจากคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงโดยมีหน่วยคำนวณ 584 หน่วยคำนวณ ที่ความเร็ว 2.2-2.6 GHz. และทำการติดตั้งโปรแกรมเพื่อการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็ง พลศาสตร์ระดับโมเลกุล ไปจนถึงโปรตีนคำนวณด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น VASP, CRYSTAL, GAUSSIAN, FEFF, QE, LMTO, LAMMPI, Phonopy, Abinit, SATLEED, Xcrysden, DLV, Vesta, GROMACS และ GOLD โดยมีขอบเขตการดำเนินงานคำนวณฯ เพื่อสนับสนุนการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน เช่น งานคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยทฤษฎีคำนวณจากทฤษฎีความหนาแน่นฟังก์ชันแนล (Density Functional Theory, DFT) งานคำนวณสัญญาณการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy, XAS) งานคำนวณสัญญาณการปลดปล่อย อิเล็กตรอนจากพื้นผิว (X-ray Photoemission Electron Spectroscopy, XPS) งานคำนวณโครงสร้างเชิงอิเล็กทรอนิกส์คุณสมบัติเชิงแสง (Optical Properties) และคุณสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Properties) งานคำนวณพลศาสตร์ระดับโมเลกุล (Molecular Dynamics, MD) งานคำนวณโครงสร้างพื้นผิวระดับอะตอมด้วยการแทรกสอดของอิเล็กตรอนพลังงานต่ำแบบไอวี (Quantitative Low-energy Electron Diffraction, LEED-IV) งานคำนวณปรากฏการณ์การแทรกสอดของอิเล็กตรอนในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพลังงานต่ำ (IV-Low-energy Emission Electron Microscopy, IV-LEEM) เพื่องานฟิล์มบางสองมิติ งานคำนวณการจับคู่ของสารเป้าหมายกับโครงสร้างโปรตีน (Molecular Docking)

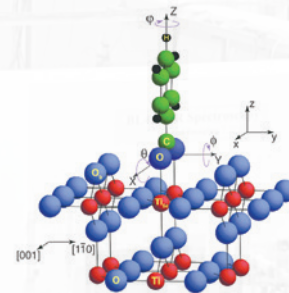
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ดร.วุฒิไกร บุษยาพร

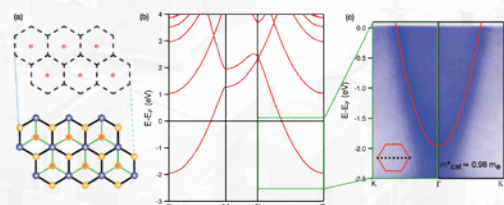
wutthikrai@slri.or.th



คอมพิวเตอร์คำนวณสมรรถนะสูงของสถาบันฯ



งานคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งระดับอะตอมด้วยทฤษฎีคำนวณ



งานคำนวณสัญญาณการปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากพื้นผิว (X-ray Photoemission Electron Spectroscopy, XPS)**

**T., Eknapakul, et al., Phys. Rev. B94, 201121 (2016).



การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

สถาบันสนับสนุนงานวิจัยของภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี
ทีมนักวิจัยและห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการให้บริการ
ในลักษณะ “เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop-Service)” แบบครบวงจร
สถาบันให้บริการวิเคราะห์ทดสอบโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ติดต่อใช้เครื่องมือได้ที่

ส่วนพัฒนารูทกิจ

 bds@slri.or.th

 08 9949 7313

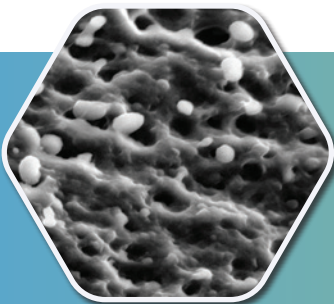
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

Scanning Electron Microscope (SEM): FEI, QUANTA 450

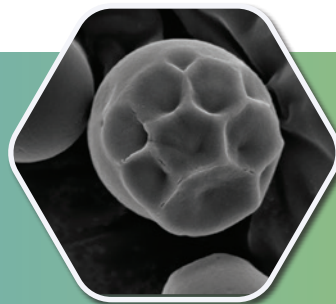
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยาย 6 - 1,000,000 เท่า ทำให้สามารถศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กระดับนาโนเมตรถึงไมโครเมตร สามารถถ่ายภาพตัวอย่างได้หลากหลายโดยไม่มี ความจำเป็นต้องเคลือบผิวด้วยสารตัวนำไฟฟ้าก่อนการถ่ายภาพ โดยเลือกระบบสุญญากาศในห้องใส่ตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับ ตัวอย่างแต่ละประเภท ได้แก่



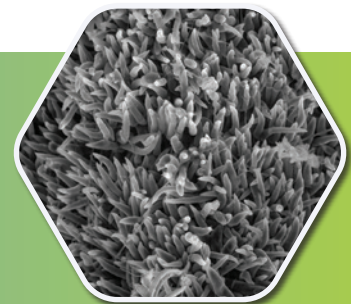
- ระบบสุญญากาศระดับสูง (High Vacuum) สำหรับตัวอย่างประเภทเป็นของแข็ง แข็ง และนำไฟฟ้า เช่น โลหะ เป็นต้น
- ระบบสุญญากาศระดับต่ำ (Low Vacuum) สำหรับตัวอย่างประเภทเป็นของแข็ง แข็ง และไม่นำไฟฟ้า เช่น พอลิเมอร์ ยาง เป็นต้น
- ระบบสุญญากาศระดับสภาวะแวดล้อม (Environmental SEM) ที่สามารถทำงานที่ความดัน 10 ถึง 2600 Pa เหมาะกับ ตัวอย่างที่มีความชื้น มีน้ำเป็นองค์ประกอบ สามารถปรับระดับความชื้นในห้องใส่ตัวอย่างได้ตามความต้องการ และสามารถ วัดตัวอย่างที่มีอุณหภูมิต่ำได้ เช่น ไอศกรีม ตัวอย่างแช่แข็ง ตัวอย่างทางชีวภาพทางการแพทย์ เป็นต้น



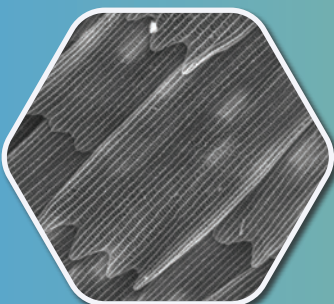
โครงสร้างจุลภาคของซีสที่มีเม็ดไขมัน กระจายอยู่โดยใช้ ESEM ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ไม่มีการเคลือบผิว ด้วยโลหะนำไฟฟ้า



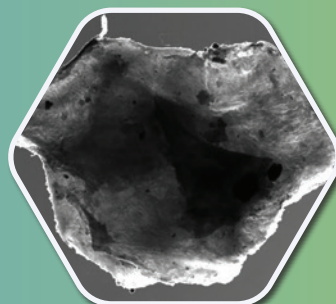
ความเสียหายของเม็ดแป้ง (Damaged starch)



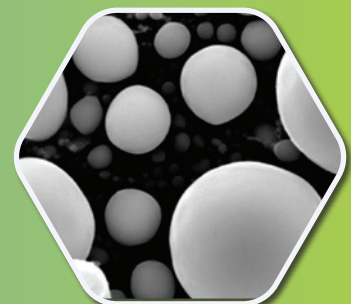
โครงสร้างจุลภาคของเปลือกกล้วยสด ไม่มีการเคลือบผิวด้วยโลหะนำไฟฟ้า



โครงสร้างจุลภาคของปีกผีเสื้อ



การศึกษารูปร่างการกระจายตัวของโลหะ ในพอลิเมอร์แบบส่องผ่านโดยใช้ STEM



Tin balls

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

Transmission Electron Microscope :

Thermo Scientific รุ่น TALOS F200X



กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE) เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดหนึ่งที่ใช้อิเล็กตรอนส่องผ่านตัวอย่างที่มีความหนาไม่เกิน 150 นาโนเมตร ในภาวะสุญญากาศสูง เพื่อลดการกระเจิงของอิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนที่ได้มาจากการให้ศักย์ไฟฟ้าแก่แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนจะทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนที่ได้จะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าผ่านเลนส์คอนเดนเซอร์ (condenser lens) ซึ่งเป็นเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำหน้าที่รวบรวมอิเล็กตรอน เพื่อทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนกลายเป็นลำอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถปรับขนาดของลำอิเล็กตรอนให้เล็กหรือใหญ่ตามต้องการได้ จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผ่าน ตัวอย่าง (specimen) ที่ต้องการศึกษา เมื่ออิเล็กตรอนทะลุผ่านตัวอย่างจะวิ่งไปยังเลนส์วัตถุ (objective lens) และจะถูกขยายสัญญาณให้ใหญ่ขึ้นไปยังจากรับภาพที่ทำให้เกิดเป็นภาพฉาย 2 มิติ โดยที่วัตถุที่มีค่าเลขอะตอม (Atomic number) มาก ภาพที่ได้จะเห็นเป็นสีดำ ส่วนวัตถุที่มีค่าเลขอะตอมน้อย ภาพที่เห็นจะเป็นสีขาว

การประยุกต์การใช้งาน

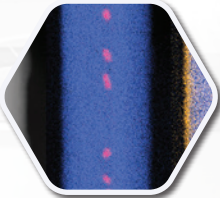
สามารถใช้ในถ่ายภาพและการตรวจสอบโครงสร้างขนาดเล็กมาก ๆ ของตัวอย่าง ทางชีวภาพและกายภาพได้หลากหลาย ประเภท เช่น จุลินทรีย์ เซลล์ โมเลกุลขนาดใหญ่ ชิ้นเนื้อ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และผลึกต่าง ๆ เป็นต้น

การถ่ายภาพแบบต่างๆ เช่น ภาพพื้นสว่าง (bright-field (BF) image) แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ภาพพื้นมืด (dark-field (DF) image) แบบรูปแบบอิเล็กตรอน แบบเลือกพื้นที่ (selected area diffraction pattern (SADP)) แบบส่องกราดและส่องผ่าน (scanning-transmission electron microscopy (STEM)) สเปกโทรสโกปี การกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS)) ถ่ายภาพแผนที่รังสีเอกซ์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

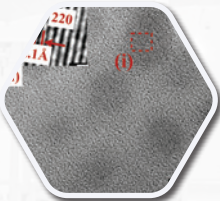
คุณลักษณะเฉพาะ



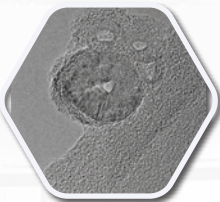
- แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนเป็นแคโทดชนิด field emission แบบ schottky ที่ให้ความสว่างจ้า (Brightness) ได้เท่ากับ 1.0×10^{10} A/cm² srad หรือดีกว่า ที่ 200 kV โดยสามารถปรับศักย์ไฟฟ้าแรงสูงได้ในช่วง 80-200 kV



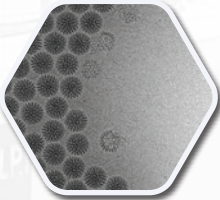
- สามารถศึกษาตัวอย่างที่มีขนาดเล็กสุด (Information limit) ได้ถึง 0.12 นาโนเมตร



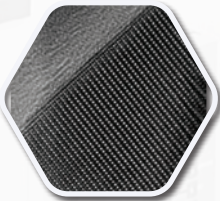
- สามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพแบบ Scanning Transmission Electron Microscope (STEM) ด้วยตัวรับสัญญาณแบบ High angle annular dark field (HAADF) ได้ถึง 0.16 นาโนเมตร



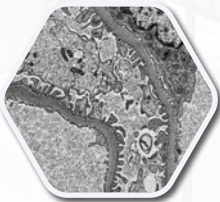
- มีช่วงกำลังขยายของ TEM ในช่วง 25 เท่า ถึง 1,500,000 เท่า



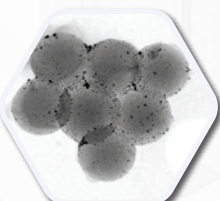
- มีช่วงกำลังขยายของ STEM ในช่วง 150 เท่า ถึง 230,000,000 เท่า



- มุมการกระเจิงอิเล็กตรอนสูงสุด (Maximum diffraction angle) $\pm 12^\circ$



- มีซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลภาพแบบ 3 มิติได้ (Tomography Software) สามารถประมวลผลภาพ TEM, STEM และ EDX Tomography



- ชุดวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (EDS) เป็นชนิด Silicon Drift Detector (SDD) ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกัน จำนวน 4 SDD มี Resolution น้อยกว่าหรือเท่ากับ 136 eV สำหรับ Mn-K α สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ตั้งแต่ Boron (B) ถึง Uranium (U)



กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม Atomic Force Microscope (AFM) : Park systems NX10

กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวอ่านส่องกราด (Scanning Probe Microscopes, SPMs) ชนิดหนึ่ง โดยอาศัยหลักการของอันตรกิริยาของแรงระหว่าง อะตอม (atomic force) ระหว่างหัวเข็มวัดในระดับนาโนเมตร กับพื้นผิวของสาร และจะทำการประมวลผลออกมาในลักษณะของภาพพื้นผิวทั้งในแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ โดยการสแกนได้ในแนวนอนมีกำลังแยกแยะ (spatial resolution) 0.04 nm การสแกนในแนวดิ่งมีกำลังแยกแยะ 0.015 nm และสามารถ ศึกษาตัวอย่างได้หลากหลายจึงสามารถศึกษาคุณสมบัติต่างๆ บนพื้นผิวของตัวอย่างได้ เช่น การศึกษาคุณสมบัติวัสดุ เพียโซอิเล็กทริกและไดอิเล็กทริก ศึกษาคุณสมบัติแม่เหล็ก ศึกษาคุณสมบัติไฟฟ้า ศึกษาคุณสมบัติความร้อน วัดแรง วัดค่า Ra (roughness), Friction Force, Particle & Grain analysis, Pitch & height measurement เป็นต้น

ลักษณะของตัวอย่างที่สามารถวัดได้

- ตัวอย่างพื้นผิวที่นำไฟฟ้า, ตัวอย่างพื้นผิวที่เป็นฉนวน, ตัวอย่างที่เป็นของแข็งเรียบ, ตัวอย่างที่ผิวอ่อนนุ่ม เช่น ฟิล์มบางที่เคลือบบนวัสดุรองรับ, ตัวอย่างพอลิเมอร์ และพื้นผิวสารสังเคราะห์เรียบอื่นๆ เป็นต้น
- พื้นผิวตัวอย่างควรมีระดับความสูงต่ำ (roughness) ไม่เกิน 15 ไมโครเมตร
- ขนาดภาพสแกนใหญ่ที่สุดไม่เกิน 100x100 ไมโครเมตร
- ขนาดชิ้นงานตัวอย่างต้องไม่เกิน 50x50x20 มิลลิเมตร (กว้างxยาวxหนา)

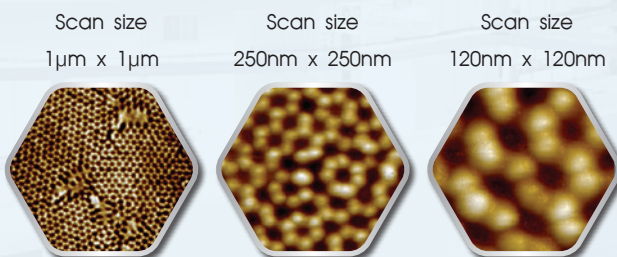
โหมดการวัด

- True Non-Contact AFM Mode โหมดการศึกษาลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคหัวเข็มไม่สัมผัสผิวตัวอย่าง
- Contact AFM Mode โหมดการศึกษาลักษณะพื้นผิวตัวอย่าง โดยเทคนิคหัวเข็มลากสัมผัสบนผิวตัวอย่าง
- Dynamic Force Mode (DFM) โหมดการศึกษาลักษณะพื้นผิวตัวอย่างโดยเทคนิคหัวเข็มเคาะลงบนผิวตัวอย่าง
- Lateral Force Microscopy (LFM) mode โหมดศึกษาแรงเสียดทาน (Friction) ของผิวตัวอย่าง
- Phase Imaging โหมดศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัสดุที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน
- Force Distance (F-D) Spectroscopy โหมดศึกษาความอ่อนและแข็งของตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการกดหัวเข็มลงบนผิวตัวอย่าง
- Force volume imaging โหมดวัดค่าความแข็งแรงความอ่อนบนผิววัสดุ
- Pin Point-Mechanical Mode โหมดศึกษาความอ่อนและความแข็งของวัสดุโดยการกดหัวเข็มลงบนผิวตัวอย่างซึ่งสามารถทำได้แบบเต็มพื้นที่สแกน (Mapping)
- Magnetic Force Microscope (MFM) Mode โหมดศึกษาคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของวัสดุ วัดการกระจายตัวของแรงแม่เหล็กบนพื้นผิวได้ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในกลุ่ม magnetic storage, memory

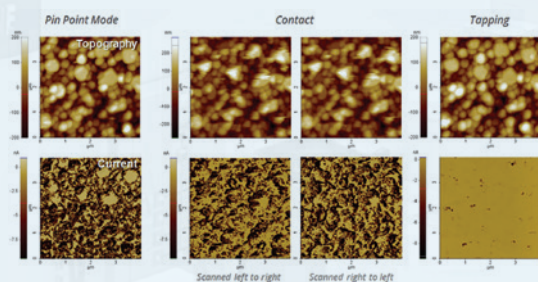
- Conductive AFM Mode โหมดศึกษาคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุ สามารถวัดกระแสไฟฟ้า ได้ช่วง $-10 \mu\text{A}$ ถึง $10 \mu\text{A}$ สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้า (Bias Voltage) ให้กับตัวอย่างในช่วง -10 ถึง $+10$ โวลต์ ที่สามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์
- Pinpoint-Conductive AFM โหมดศึกษาคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุ โดยสามารถวัดได้เต็มพื้นที่ทำการสแกน (Current Mapping)
- Electrostatic Force Microscopy (EFM) Mode โหมดศึกษาไฟฟ้าสถิตบนผิววัสดุ
- Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM) Mode โหมดศึกษาศักย์ทางไฟฟ้า (Surface potential) บนผิววัสดุ
- Piezoelectric Force Microscopy (PFM) Mode โหมดศึกษาคุณสมบัติ (ferroelectric strain component) ของผิววัสดุ
- Scanning Thermal Microscopy (SThM) Mode โหมดศึกษาคุณสมบัติการนำความร้อนบนผิววัสดุ ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ อุณหภูมิห้องถึง 160°C ชุดควบคุมอุณหภูมิบนแท่นวางตัวอย่าง (Temperature Control Stage) ที่สามารถเพิ่มอุณหภูมิตั้งแต่ 160°C ขึ้นไปได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 250°C องศาเซลเซียส

การประยุกต์ใช้งาน

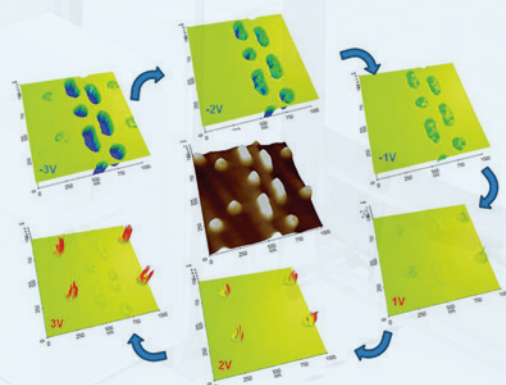
- วิเคราะห์พื้นผิวโลหะชนิดต่างๆ เช่น พื้นผิวของเหล็ก อะลูมิเนียม เพื่อดูลักษณะพื้นผิวและความเรียบ
- วิเคราะห์พื้นผิวของฟิล์มบางบนวัสดุรองรับชนิดต่างๆ เพื่อดูความเรียบและดูการกระจายตัวของสารเคลือบบนผิวฟิล์มบาง
- วิเคราะห์ความหนาของชั้นแผ่นฟิล์ม สารเคลือบฟิล์มในระดับนาโนเมตร
- วิเคราะห์ลักษณะของสนามแม่เหล็กบนแผ่นฮาร์ดดิสก์หรือเครื่องบันทึกข้อมูลที่ใช้แถบแม่เหล็กต่างๆ
- วิเคราะห์ขนาดของอนุภาคระดับนาโน ที่เคลือบบนผิวของตัวอย่าง
- วิเคราะห์ดูการกระจายตัวของสารเติมแต่งต่างๆ ที่รวมตัว หรือกระจายตัวกันอยู่บนพื้นผิวในตัวอย่างพอลิเมอร์



Nano-arrayed particles, Scan size: $1 \mu\text{m}$, 250 nm , 120 nm , Using Probe: AR5T-NCHR, Imaged on a Park NX10 using Non-contact Mode.



The conventional contact and tapping conductive AFM have cons and pros. PinPoint iAFM has the best of both spatial resolution and current sensitivity. (ZnO nano-rods, Scan size: $4 \mu\text{m}$, Using Probe: Solid Pt, Imaged on a Park NX10 using PinPoint Scan Mode.)



The contrast on the Conductive Probe AFM image indicates differences in the electrical property of the raised dots. The topography of a DRAM surface and Conductive Probe AFM image with various sample bias. (SRAM, Scan size: $1 \mu\text{m}$, Using Probe: CDT-ContR, Imaged on a Park XE-Series using Conductive Probe Mode.)

FTIR Spectrometer, Bruker Tensor 27

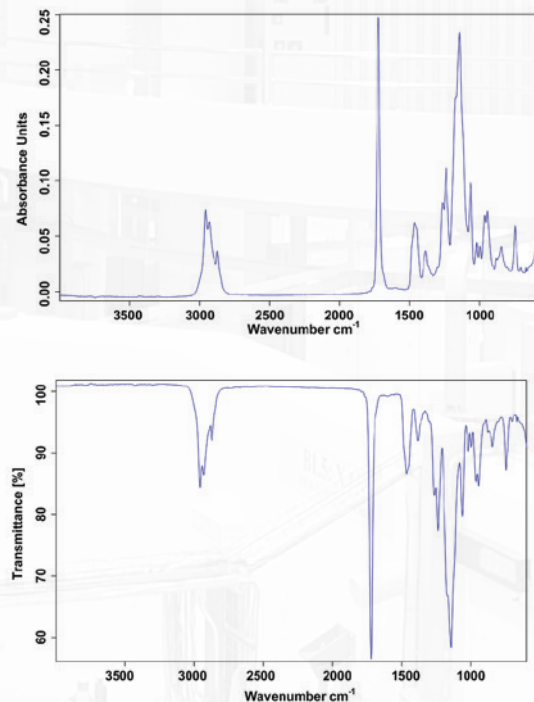
FTIR-Microscope, Bruker Hyperion 3000



เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (Fourier transform Infrared (FTIR) Spectroscopy) เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ จำแนกประเภทของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และพันธะเคมีหรือหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุล ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ทำให้เกิดการสั่นของ โมเลกุลของสารในย่านความถี่ของแสงอินฟราเรดช่วงกลาง (Middle infrared region) ช่วงความยาวคลื่น (λ) 2.5-50 μm , ช่วงเลขคลื่น 4000-400 cm^{-1} เป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายตัวอย่าง (nondestructive) คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างหลังการวัด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวก ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการวัดสั้น และมีความปลอดภัยสูง สามารถวัดตัวอย่างได้ทั้งในรูปของแข็งและของเหลว

กล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด FTIR-Microspectroscope สามารถวัดได้ทั้งแบบการส่องผ่าน (Transmission) และการสะท้อน (Reflection) มีตัวตรวจวัดรังสีอินฟราเรด 2 ชนิด คือ

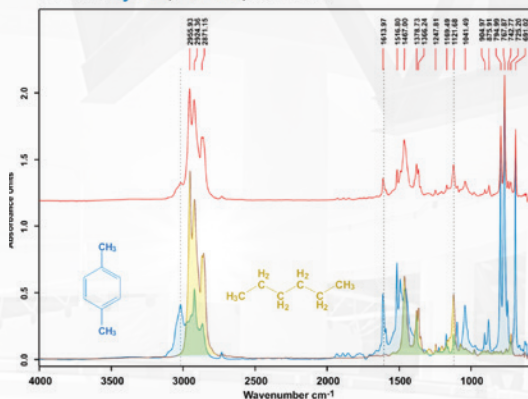
- 1) MCT detector วัดตัวอย่างได้ครั้งละ 1 สเปกตรัม
- 2) Focal Plane Array (FPA) detectors สามารถวัดสเปกตรัมสูงสุดได้ครั้งละ 4,069 สเปกตรัม จึงทำให้การสร้างแผนภาพการกระจายตัวของหมู่ฟังก์ชันได้รวดเร็วกว่า MCT detector



รูป 1 ลักษณะสเปกตรัมที่พล็อตแบบค่าการดูดกลืนคลื่นอินฟราเรด (%T) หรือ Absorbance Units

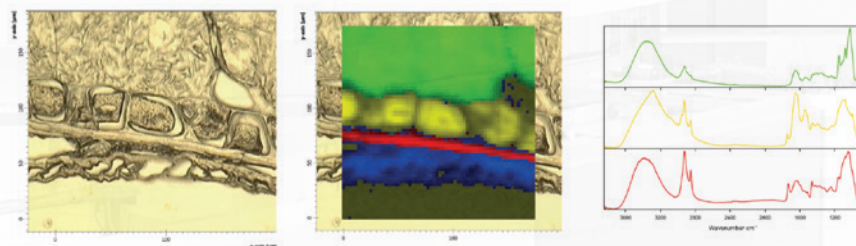
อุปกรณ์เสริม

FT-IR of Xylene, Hexane, & Mixture

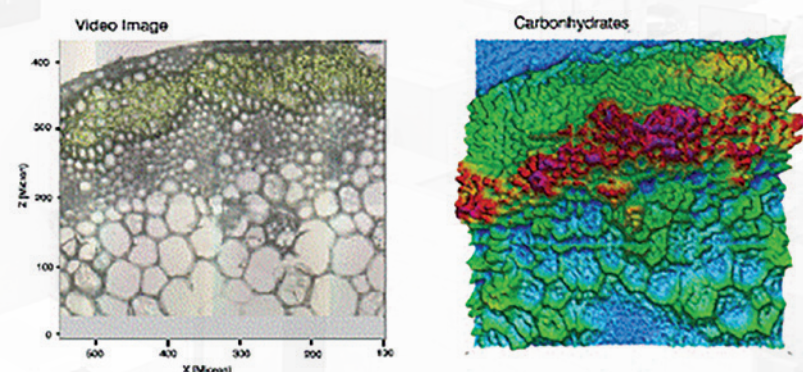


รูป 2 ตัวอย่างสเปกตรัมของตัวอย่างที่มีการผสมสารหลายชนิด เช่น Xylene, Hexane และ สารผสมอื่นๆ

- สามารถแสดงผล แบบ 2D-3D dimension และประมวลผลแบบ Chemical Imaging สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตรวจสอบ หมู่ฟังก์ชัน ดังรูปที่ 3-4 แสดงการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเมล็ดธัญพืช ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ในหลายกลุ่มงานวิจัย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้านอาหาร อาหารเสริม ด้านเครื่องสำอาง ด้านยางและพอลิเมอร์ และด้านอัญมณี เป็นต้น



รูป 3 ตัวอย่างการวิเคราะห์และประมวลผลแบบ Chemical Image ในตัวอย่าง เมล็ดธัญพืช (ข้าว) จะเห็นภาพและสเปกตรัมแต่ละชั้นได้อย่างชัดเจน (กลาง) Endosperm (สีเขียว, integration range 1070 – 996 cm^{-1}), aleuron (สีเหลือง, 1758 – 1740 cm^{-1}), seed coat layer (สีแดง, 1744 – 1727 cm^{-1}) และ pericarp (สีน้ำเงิน, 1349 – 1297 cm^{-1})



รูป 4 ตัวอย่าง Wheat stem (ข้าว) ที่วิเคราะห์ด้วย FT-IR imaging system BRUKER HYPERION 3000 FPA detector, 15x objective, pixel resolution 2.7 μm และ(ขวา) แสดง 3D contour plot ของ carbohydrates (1140 – 900 cm^{-1})

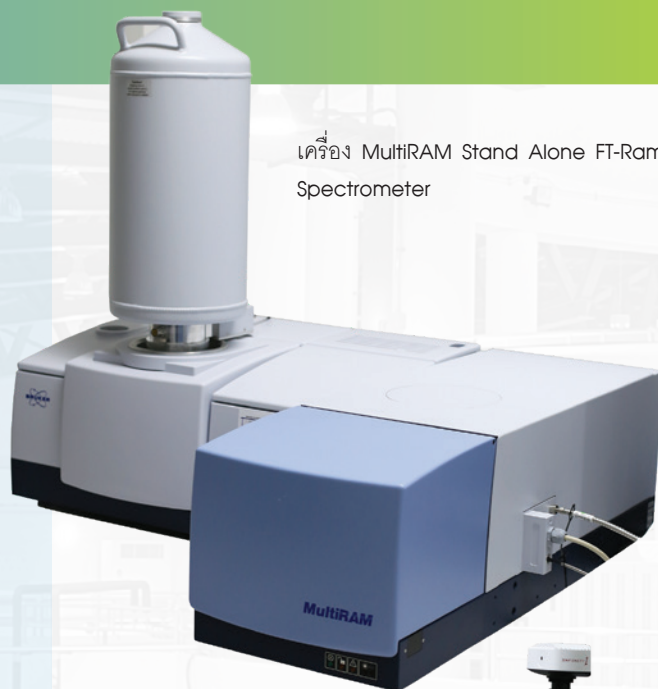
อ้างอิง

- (1) รศ.แม่้น อมรสิทธิ์ และคณะ. (2552). หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ, ขวณพิมพ์, หน้า 139-197.
- (2) Bruker Optics. Application Note AN # 133, 403, 407, 409, 410, 412. Bruker. (2016). Available at: <https://www.bruker.com/products/infrared-near-infrared-and-raman-spectroscopy/ft-ir-microscopes-raman-microscopes/hyperion/learn-more.html>.

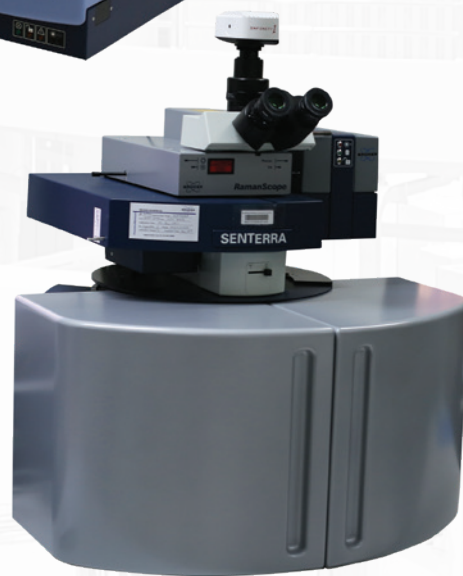
FT-RAMAN spectrometer, Bruker MultiRAM Raman & Dispersive Raman Microscope, Bruker Senterra II dispersive Raman

Raman เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงกับสสาร โดยหลักการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (inelastic collision) ระหว่างโฟตอนกับโมเลกุลของสารโฟตอนอาจได้รับพลังงาน (anti-stoke scattering) หรือสูญเสียพลังงาน (stoke scattering) ให้กับโมเลกุล พลังงานของแสงที่กระเจิงในระดับพลังงานช่วงหนึ่งตั้งแต่ต่ำไปมากจะเกิดรูปแบบที่เรียกว่ารามานสเปกตรัม ซึ่งจะบอกถึงหมู่ฟังก์ชันที่มีอยู่ในโมเลกุล และสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีของสารหรือวัสดุ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ และวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก ระดับไมโครเมตรได้

เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer) มีให้บริการ 2 เครื่อง คือ FT-RAMAN spectrometer (Bruker Optics Model MultiRAM) มีเลเซอร์ความยาวคลื่น 1064 nm และ Dispersive Raman Microscope (Bruker Optics Model Senterra II) ที่มีเลเซอร์ความยาวคลื่น 532, 785 nm นอกจากนี้ FT-RAMAN ยังเชื่อมต่อกับเครื่อง Raman Microscope (Senterra II) ทำให้สามารถใช้ FT-RAMAN Microscope เลเซอร์ความยาวคลื่น 1064 nm ได้ จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น



เครื่อง MultiRAM Stand Alone FT-Raman Spectrometer



เครื่อง SENTERRA II Compact Dispersive Raman Microscope

ความสามารถในการตรวจวัด

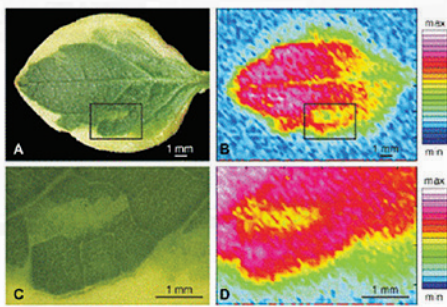
- สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ทั้งชนิด ของแข็ง ของเหลว และผง
- Raman Microscope สามารถวัดตัวอย่างที่มีขนาดเล็กในระดับไมโครเมตรได้
- เป็นเทคนิคที่ไม่ต้องเตรียมตัวอย่างและไม่ทำลายตัวอย่าง (nondestructive) คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างหลังการวัด
- สามารถตรวจวัดในโหมดติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาทดสอบได้แบบต่อเนื่อง (Real time On-line) จึงประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาลักษณะการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้
- สามารถตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารโดยวัดเปรียบเทียบกับรามานสเปกตรัมของวัสดุหรือสารที่กำลังตรวจสอบเทียบกับสเปกตรัมของสารมาตรฐานที่ได้บันทึกไว้หรือที่มีอยู่แล้วใน Library ของฐานข้อมูล
- เป็นเทคนิคที่ใช้ทดสอบตัวอย่างเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ทั้งในห้องปฏิบัติการหรือในกระบวนการผลิตได้

การประยุกต์ใช้งาน

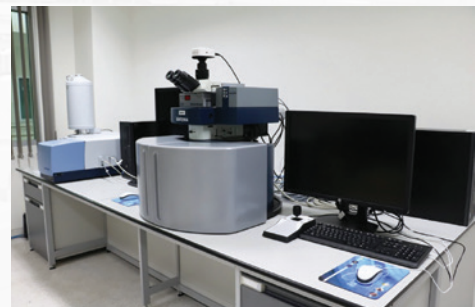
สามารถใช้วิเคราะห์ตัวอย่างได้หลากหลาย เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง พอลิเมอร์ วัสดุ ตัวอย่างสารเคลือบผิว รายละเอียดดังนี้

ด้านอาหาร / ยา / เครื่องสำอางและสารอินทรีย์

- จำแนกสารประกอบอินทรีย์ เช่น Toluene, Acetone, Methanol, Benzene เป็นต้น
- พิสูจน์และจำแนกยาชนิดต่าง ๆ เช่น พาราเซตามอล, ยาปลอม, ยาเสพติด เป็นต้น
- ศึกษาสมบัติภาวะทางพหุสัณฐาน (polymorphism) ของยาและผลิตภัณฑ์ยา
- วิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น้ำมันไบโอดีเซล หรือน้ำมันชนิดอื่นๆ เป็นต้น
- ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในผลิตภัณฑ์อาหาร และติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีในระหว่างกระบวนการให้ความร้อนหรือให้ความเย็น
- ศึกษาสิ่งปนเปื้อนในอาหาร เช่น Melamine และซัลโฟนาที่ทรีย์ก่อโรคต่างๆ
- ศึกษาลักษณะการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรือทางกายภาพต่างๆ ในอาหาร เช่น Maillard reaction, lipid oxidation, starch retrogradation เป็นต้น
- ตรวจสอบการสูญเสียของคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร



ตัวอย่างการวิเคราะห์พืชและประมวลผลแบบ Chemical Image ในตัวอย่างใบ Canadal Gold (ภาพ A) จะเห็นภาพการกระจายตัวของ carotenoid (1525 cm^{-1}) ได้อย่างชัดเจน (ภาพ B และ D) ด้วย FT-Raman spectroscopy, Excitation laser 1064 nm , 100 mW , resolution 4 cm^{-1} , ช่วง $100\text{ to }4000\text{ cm}^{-1}$



เครื่อง SENTERRA II with FT-RAMAN module

ด้านวัสดุ / สารอนินทรีย์

- จำแนกประเภทและชนิดต่าง ๆ ของอัญมณีและหาชนิดวัสดุที่เจือปนในเนื้ออัญมณี
- จำแนกวัสดุประเภทพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น วัสดุเคลือบ Polycarbonate บนแผ่น CD เป็นต้น
- จำแนกสารประกอบอนินทรีย์ เช่น Bariumsulfate, Potassiumnitrate, Rutile & Anatase titaniumdioxide เป็นต้น
- ศึกษาสมบัติทางโครงสร้างของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-Like Carbon)
- วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างบริเวณพื้นผิวชิ้นงาน เช่น Wafer, Sensor, Semiconductor เพื่อหาร่องรอยความเสียหาย
- ศึกษาลักษณะการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (Kinetics) เช่น กระบวนการ Polymerizations เป็นต้น
- หาสารพิษในน้ำ เป็นต้น

อ้างอิง

H. Schulz, M. Baranska, and R. Baranski, "Potential of NIR-FT-Raman Spectroscopy in Natural Carotenoid Analysis," Biopolymer, 77, 212-21 (2005).

Bruker Optics. Application Note AN # 518, 520, 528. Bruker. (2016). Available at: <https://www.bruker.com/products/infrared-near-infrared-and-raman-spectroscopy/raman/senterra-ii/learn-more.html>.

Laser Ablation Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer (LA-ICP-MS), Thermo: iCAP Q ICP-MS with ESI's IVA™: NWR021 laser ablation



LA-ICP-MS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุ (elemental analysis) โดยอาศัยหลักการของอะตอมมิกสเปกโทรสโกปี (Atomic spectroscopy) การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้ เป็นการนำเลเซอร์ยิงไปที่ตัวอย่างให้เกิดการระเหิด (Laser Ablation) แล้วโมเลกุลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังเครื่อง ICP เพื่อให้พลังงานจากพลาสมาในการทำให้ไอเล็ดรอนวงนอกของอะตอมหลุดออกเกิดเป็นไอออนบวกเกิดขึ้น จากนั้นไอออนบวกจะถูกแยกและวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแมสสเปกโทรสโกปี (Mass spectroscopy) ซึ่งปริมาณไอออนบวกที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของสารตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

- สามารถทำการวิเคราะห์หาชนิดของธาตุที่มีความเข้มข้นระดับต่ำได้ถึงระดับส่วนในพันล้านส่วน (parts per billion parts, ppb)
- สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีสถานะเป็นของแข็งและของเหลวได้
- มีเครื่องดูดและฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ
- สามารถวิเคราะห์หาชนิดของธาตุได้พร้อมกันถึง 70 ธาตุ
- สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
- เครื่อง LA มีแหล่งกำเนิดคลื่นแสงเลเซอร์จาก Neodymium Yttrium Aluminum Garnet (NdYAG) ที่ความยาวคลื่น 213 นาโนเมตร เพื่อใช้กับตัวอย่างที่อยู่ในรูปของแข็งได้โดยไม่ต้องย่อยตัวอย่างด้วยกรด
- สามารถทำแผนภาพการกระจายตัวของชนิดของธาตุบนผิวตัวอย่างได้ (mapping) โดยภาพที่ได้มีความละเอียดในแต่ละจุด (spatial resolution) ถึง 2 ไมครอน

[illegible]

63



เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แบบกระจายความยาวคลื่น Wavelength Dispersive X- Ray Fluorescence (WDXRF), Rigaku ZSX Primus IV

WDXRF เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในสารตัวอย่างโดยใช้หลักการเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Wavelength Dispersive สามารถหาปริมาณธาตุได้ตั้งแต่ เบริลเลียม (Be) จนถึง ยูเรเนียม (U) สามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่มีมากในระดับความเข้มข้นสูงตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ (percent) จนถึงมีปริมาณน้อยมากในระดับส่วนในล้านส่วน (ppm) เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งของแข็งและของเหลว ในกระบวนการวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบ Wavelength Dispersive นั้น เกิดจากลำรังสีเอกซ์ที่ได้จากเครื่อง X-ray generator จะถูกส่งไปยังสารตัวอย่างเพื่อให้เกิดอันตรกิริยากับธาตุต่างๆ ในสารตัวอย่าง แล้วเกิดเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ผ่านคอลลิเมเตอร์ (Collimator) เพื่อทำให้ลำรังสีเอกซ์เป็นลำขนานและไปในทิศทางที่ต้องการให้ไปกระทบกับ Analyzing crystal ซึ่งอยู่ในสเปกโตรมิเตอร์ ที่ทำให้เป็นสเปกตรากาศ Analyzing crystal จะทำหน้าที่กระจายหรือแยกรังสีเอกซ์ออกไปให้มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน และรังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน จะถูกส่งไปที่ดีเทคเตอร์ (Detectors) เพื่อแปลงสัญญาณออกมาเป็นสเปกตรัม



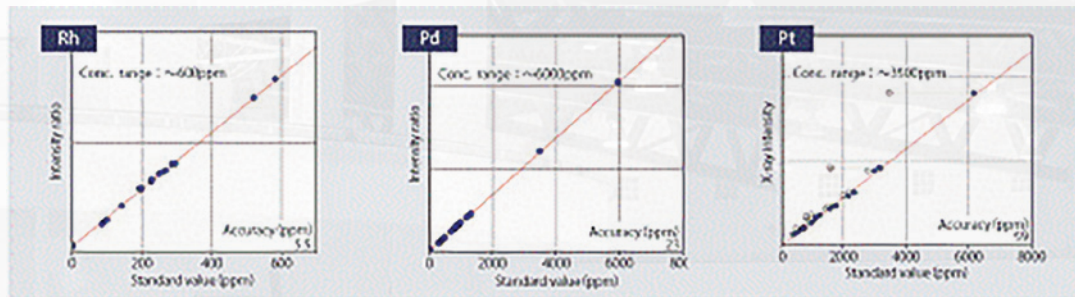
ภาพภายในเครื่อง WDXRF

คุณลักษณะเฉพาะ

X-ray Generator Unit	Tube-Above 4 kW, 60 kV,150 mA
	Rh Target Anode
	End Window 30 Micron
Detectors	- Scintillation counter (SC) สำหรับวิเคราะห์ธาตุหนัก - Flow proportional counter (F-PC) สำหรับวิเคราะห์ธาตุเบา
Analyze Crystal	LiF(200), LiF(220), GeH, PeTH, RX25, RX40, RX45, RX75
Sample Chamber	- มีระบบการเปลี่ยนตัวอย่างภายในเครื่องแบบอัตโนมัติ (Auto Sample Changer) สามารถวางถ้วยตัวอย่าง (Sample Changer) ได้ 48 ถ้วย - รองรับตัวอย่าง ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และความหนาไม่เกิน 30 มิลลิเมตร - มี Sample mask 3 ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10, 20 และ 30 มิลลิเมตร) สามารถเลือกให้เหมาะสมตามขนาดของตัวอย่างได้ - สามารถทำงานได้ทั้งระบบสเปกตรากาศ และก๊าซฮีเลียม - มีระบบการหมุนตัวอย่างชนิดวัด - มีระบบการวัดการกระจายตัวของธาตุบนพื้นผิวตัวอย่าง (Micro Mapping) ที่ความละเอียดของการวัด 50 ไมโครเมตร

การประยุกต์ใช้งาน

- ลักษณะของตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้ อยู่ในรูปของของแข็ง (solid) เช่น แผ่นโลหะ กระຈก แร่ แผ่นหลอม (fused bead) ผงอัด (pressed pellet) ฟิล์มบาง (Thin film) และของเหลว (liquid)
- วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative analysis)
- วิเคราะห์ตัวอย่างแบบที่อ้างอิงกับฐานข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สารมาตรฐาน (Standardless หรือ Fundamental method) และสามารถทำกราฟเทียบมาตรฐาน (Calibration Curve) สำหรับธาตุต่าง ๆ ที่ต้องการตรวจวัด

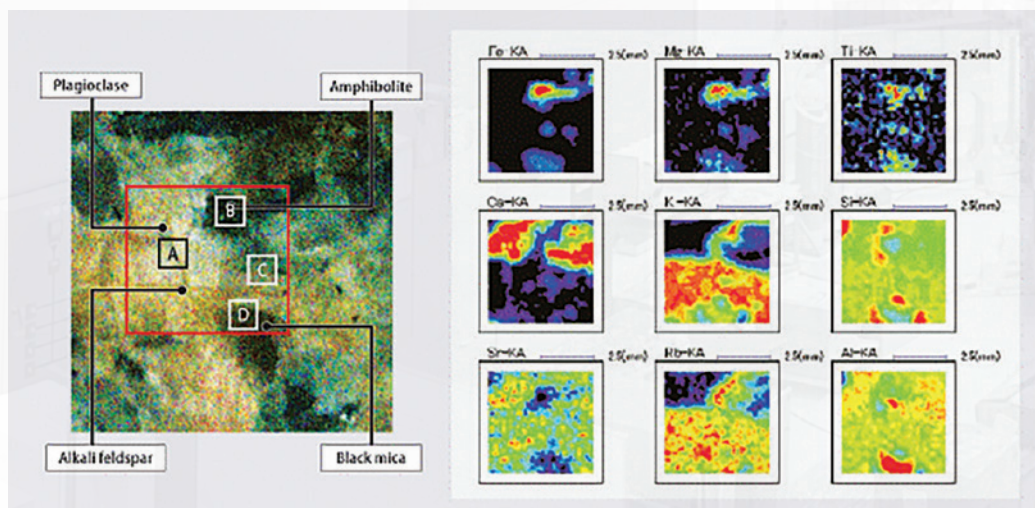


Repeatability test result

(Unit: ppm)

Element	Rh	Pd	Pt
N=1	230	798	908
2	233	795	911
3	233	790	910
4	230	795	913
5	233	792	902
Average	232	794	909
Range	3.0	8.0	11.0
Std dev.	1.6	3.1	4.2
RSD (%)	0.71	0.39	0.46

ภาพกราฟเทียบมาตรฐานและผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของ Automotive catalyst



ภาพผลการวิเคราะห์แบบ Micro mapping ของตัวอย่างหิน

อ้างอิง

รศ.แม่น อมรสิทธิ์ และคณะ. (2552). หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ, ขวณพิมพ์, หน้า 504.

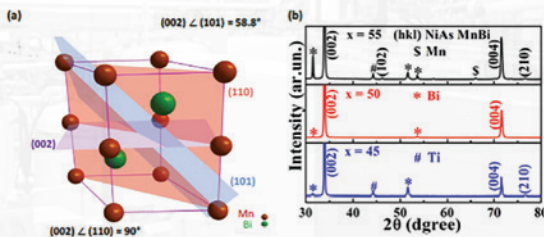
Rigaku, brochure, ZSX Primus IV, Sequential wavelength dispersive X-ray fluorescence, www.Rigaku.com



เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ X-Ray Diffractometer (XRD), Rigaku SmartLab

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

Max Power	9 kW
Monochromator	Ge (220)x4
X-Ray generator	Cu anode, K α 1-1,544 Å°
Detector	0D, 1D, 2D



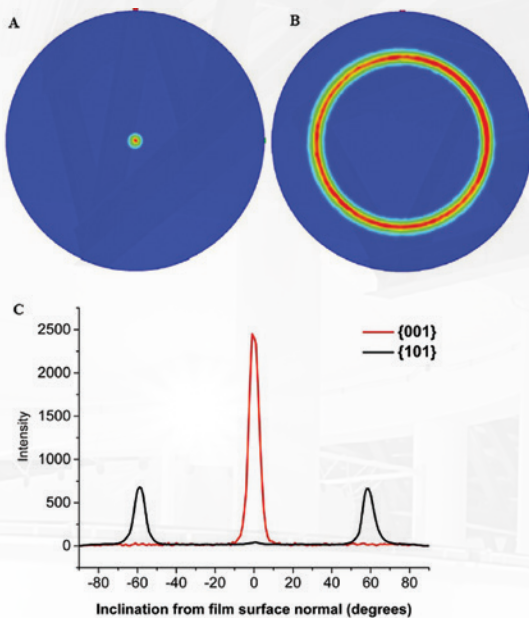
รูป 1 (a) ภาพโครงสร้างผลึก MnBi ในรูปแบบ Hexagonal และแสดงระนาบ (100), (101), (002) (b) ตัวอย่างผลการวิเคราะห์สารประกอบและธาตุที่มีในตัวอย่าง MnBi

เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน หรือ เทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) เป็นเทคนิคที่นำรังสีเอกซ์ (X-ray) มาใช้วิเคราะห์และระบุชนิดสารประกอบ โครงสร้างผลึกของสารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง ทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative)

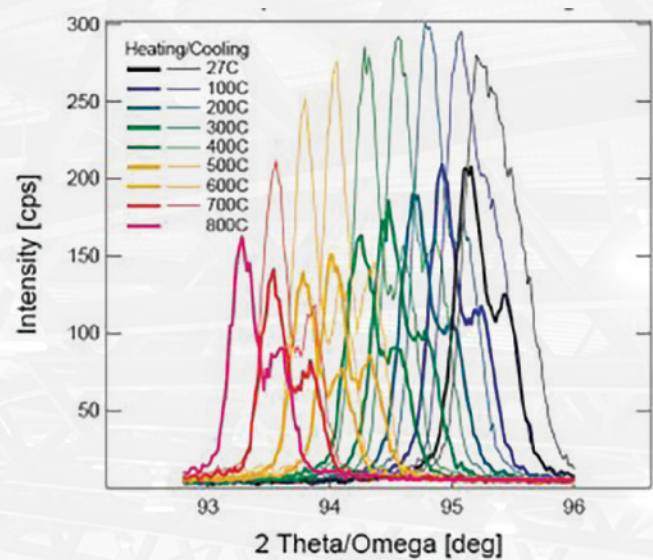
เทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ อาศัยหลักการของการยิงรังสีเอกซ์ไปกระทบที่ชิ้นงาน ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนและสะท้อนออกมาที่มุมต่าง ๆ กันโดยมีหัววัดสัญญาณ (Detector) เป็นตัวรับข้อมูล องค์ประกอบและโครงสร้างของสารจะมีองค์ประกอบ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ในมุมที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับองค์ประกอบ รูปร่าง และลักษณะผลึก ซึ่งผลที่ได้จึงสามารถบ่งชี้ชนิดของสารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างและสามารถนำมาใช้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึกของสารตัวอย่างนั้น ๆ ได้ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณความเป็นผลึก ขนาดของผลึก ความสมบูรณ์ของผลึก และความเค้นของสารประกอบในสารตัวอย่าง และเมื่อวิเคราะห์กับอุปกรณ์เสริม เช่น อุปกรณ์ให้ความเย็น-ร้อน ก็จะสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกในขณะทดสอบเปลี่ยนแปลงไป

การประยุกต์ใช้งาน

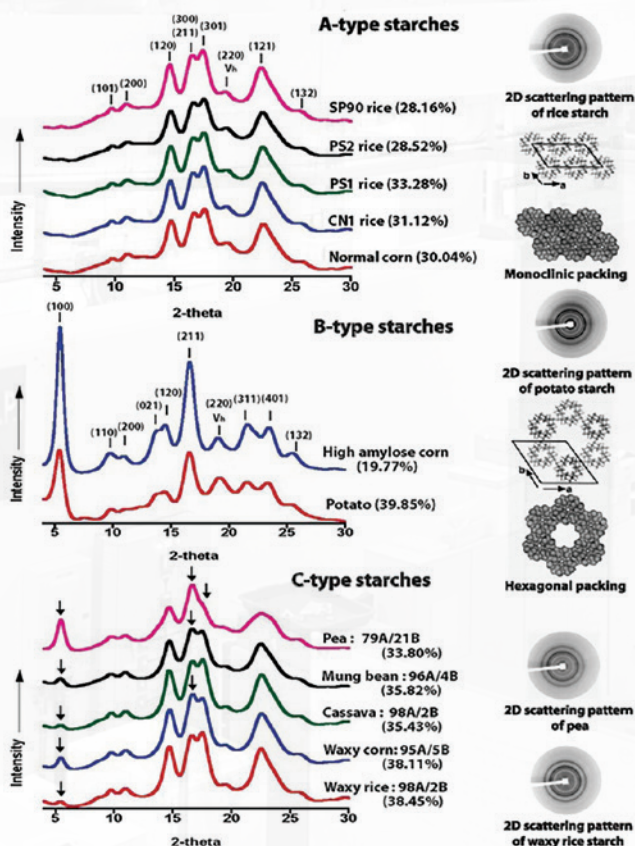
- Small angle x-ray scattering (SAXS) สำหรับการวิเคราะห์ Particle/Pore size distribution ของวัสดุระดับนาโนเมตร
- วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative analysis)
- วิเคราะห์หาค่าความเป็นผลึก
- วิเคราะห์ตัวอย่างแบบฟิล์มบาง (X-ray reflectivity) ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่า thickness, density, surface roughness และ interface roughness
- วิเคราะห์แบบ Rietveld refinement
- เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงคุณภาพกับฐานข้อมูลอ้างอิง
- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง จนถึง 1500 องศาเซลเซียส



รูป 2 ตัวอย่างผลการทดสอบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง MnBi แบบ Pole-figure สำหรับวิเคราะห์รูปแบบของผลึกที่บริเวณพื้นผิว (crystallographic textures) (A) {001}, (B) {101} MnBi Thin Film planes, (C) Line profiles ระหว่างมุมและความเข้มสัญญาณ



รูป 3 ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก ฟิล์มบางทองแดง ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่สูง



รูปที่ 4 การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณผลึกของแป้งชนิดต่างๆ ได้

อ้างอิง

รศ.แมน อมรสิทธิ์ และคณะ. (2552). หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ, ขวณพิมพ์, หน้า

High-energy-product MnBi films with controllable anisotropy, WenYong Zhang et. al., Phys. Status Solidi B 252, p 1934 (2015).

Rigaku. Application Note: Intelligent X-ray diffraction (XRD) system. Rigaku. (2016). Available at: <http://www.rigaku.com/en/products/xrd/smartlab>. Accessed September 30, 2016.

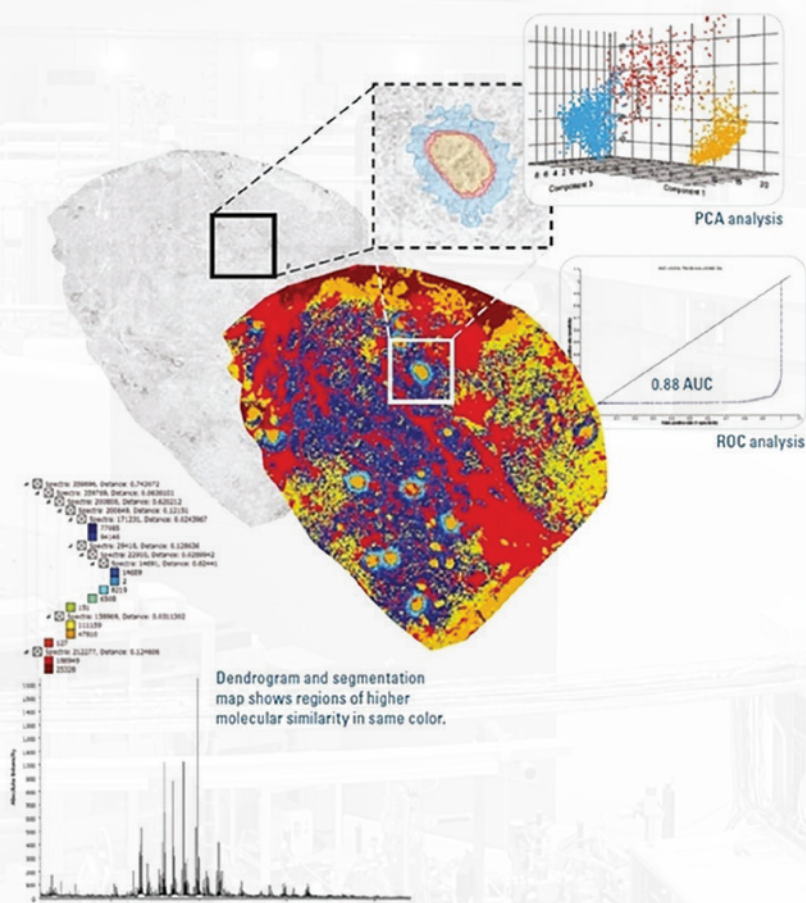
Rigaku. Application Note: Intelligent X-ray diffraction (XRD) system/Aceesories. Rigaku. (2016). Available at: <http://www.rigaku.com/en/products/xrd/smartlab>. Accessed September 30, 2016.

ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลของสารชีวโมเลกุล

MALDI-TOF/TOF imaging: BRUKER รุ่น Autoflex maX TOF/TOF

ชุดเครื่องวิเคราะห์มวล MALDI-TOF/TOF imaging เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ชนิดของสารผสมในตัวอย่างจากการวัดมวลของสาร สามารถทำได้โดยการทำให้สารในตัวอย่างเกิดการแตกตัวเป็นไอออนก่อนการวิเคราะห์ โดยผสมตัวอย่างกับสารแมทริกซ์ (matrix) ซึ่งเป็นสารที่ดูดกลืนพลังงานช่วงรังสียูวี มีผลให้เกิดการกระตุ้นให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็นไอออนโปรตรอน ไอออนดังกล่าวจะถูกเร่งความเร็ว แล้วถูกส่งเข้าไปในท่อสุญญากาศ

เพื่อแยกไอออนตามความเร็วของการเคลื่อนที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับมวลต่อประจุ (mass/charge ratio; m/z) ของสารตัวอย่างโดย m คือมวลของสารและ z คือประจุบวกของไอออน โดยที่มวลโมเลกุลน้อยจะเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่ามวลโมเลกุลใหญ่ ระยะเวลาที่ไอออนเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงตำแหน่งตรวจจับ เรียกว่า time of flight จะถูกคำนวณเป็นมวลของตัวอย่าง



รูปที่ 1 MALDI-TOF/TOF Imaging
(ที่มา: ดัดแปลงจาก www.bruker.com และ www.news-medical.net/whitepaper/20190306)

คุณสมบัติของเครื่อง

- แหล่งให้พลังงานเลเซอร์ (Laser Source) เป็นแบบ Smartbeam-ITM Solid State Laser Technology ความถี่สูงสุดถึง 2 kHz สามารถปรับขนาดลำแสงได้เล็กถึง 10 ไมโครเมตร (μm)
- ส่วนวิเคราะห์มวล (Mass Analyzer) เป็นแบบ Time-of-Flight/Time-of-Flight Mass Analyzer (TOF/TOF MS) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำ Fragmentation แบบ MS2 ได้เป็นอย่างดี
- มีระบบ LIFTM Ion Optics สำหรับเพิ่มความสามารถในการเลือกไอออนที่ต้องการทำให้เกิด Fragmentation ในโหมด MS/MS ได้
- มีระบบ High Energy CID (Collision Induced Dissociation) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแตกตัวของสารที่ต้องการวิเคราะห์
- มีความสามารถในการแยกมวล (Mass Resolution) สูงสุด 26,000 FWHM เมื่อทำการทดสอบด้วย Somatostatin 28 ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 3,147.47 m/z
- ความถูกต้องในการตรวจวัดมวล (Mass Accuracy) มีความผิดพลาดไม่เกิน 2.0 ppm ในการวัดแบบ Internal Calibration และ 10 ppm ในการวัด External Calibration ใน Reflector TOF
- สามารถทำการวิเคราะห์มวลสารได้สูงสุด 500 kDa สำหรับการทำงานแบบ Linear mode
- สามารถทำ Top-down sequencing โดยใช้เทคนิค In-source decay เพื่อทดแทน protein sequencer
- มี ProteinScape software ที่ใช้ในการจัดการทำ Data Mining เพื่อให้ในการค้นหาข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบจากฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ สามารถแสดงทำการประเมินผลและสื่อสารรับส่งข้อมูลทางด้านโปรตีโอมิกส์ที่มีจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูลได้

การประยุกต์ใช้งาน

- สามารถวิเคราะห์และระบุชนิด ขนาดของโปรตีน เปปไทด์ กรดนิวคลีอิก กรดอะมิโน ไขมัน เปปไทโดไกลแคน โกลโคโปรตีน พอลิเมอร์ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ และสามารถค้นหา เปรียบเทียบชนิดจากฐานข้อมูลได้
- สามารถวิเคราะห์ Glycoprotein หรือศึกษา Glycosylation ได้
- สามารถประมวลผลทางด้านสถิติ เพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน (Biomarker) ในชิ้นตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ได้ สำหรับงานทางด้าน Clinical Proteomics (ClinProTools)
- สามารถประมวลผลทางการวิเคราะห์ บ่งบอก และจัดจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ในระดับสปีชีส์ (Identification and Classification for microorganisms) ได้
- สามารถทำการศึกษารูปร่างตัวอย่างได้โดยตรง โดยไม่ต้องสกัดออกจากตัวอย่าง และสามารถบอกตำแหน่งการสะสมของสารหรือโมเลกุลที่สนใจบนชิ้นตัวอย่างได้โดยตรงจากการทำแผนภาพการกระจายตัวของสาร (Chemical Distribution mapping) ได้

เครื่องทดสอบการซึมผ่านแนวตั้ง

Franz Diffusion Cell (FDC): Hanson, Vision G2, Automated diffusion testing

Franz Diffusion Cell (FDC) หรือ Vertical Diffusion cell (VDC) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการซึมผ่านแนวตั้ง สามารถศึกษาการปลดปล่อย การแพร่ผ่าน การซึมผ่าน ของสารสำคัญทางยาและเครื่องสำอางผ่านเยื่อกั้นผิวหนึ่งสิ่งมีชีวิตหรือผิวหนึ่งสังเคราะห์ โดยการทดสอบการซึมผ่านของสารสำคัญ ภายนอก ร่างกาย (*In vitro* permeation) จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างแบบจำลอง (experiment model) เพื่อควบคุมสภาวะต่าง ๆ ให้คล้ายคลึงกับสภาวะของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทดสอบมากที่สุด เหมาะกับสารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยและมีความหนืดจึงสามารถทดสอบตัวอย่างได้ทั้งสารละลาย ครีม ขี้ผึ้ง เจล และโลชั่น



ภาพที่ 1 เครื่อง Franz Diffusion Cell รุ่น Vision G2

เครื่อง Franz Diffusion Cell รุ่น Vision G2 เป็นระบบอัตโนมัติ (Automated diffusion testing) สามารถเก็บตัวอย่างและเติมสารละลายได้พร้อมกันครั้งละ 6 ตัวอย่าง มีขนาด Vertical Diffusion cell 2 ขนาด คือ 7 และ 12 มิลลิเมตร สามารถตั้งเวลาในการ สุ่มเก็บตัวอย่างได้ต่อเนื่องถึง 40 วัน เหมาะสำหรับนักวิจัยที่ต้องการพัฒนาตำรับยา หรือสูตรผลิตภัณฑ์ และงานทางด้านความปลดปล่อยของสารเข้าสู่ร่างกาย โดยคำนวณปริมาณการซึมผ่านของสารสำคัญแบบสะสมต่อพื้นที่ต่อเวลา (Cumulative amount) ด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคที่เหมาะสมกับสารสำคัญนั้น ๆ

อุปกรณ์เครื่อง Franz Diffusion Cell ประกอบไปด้วย

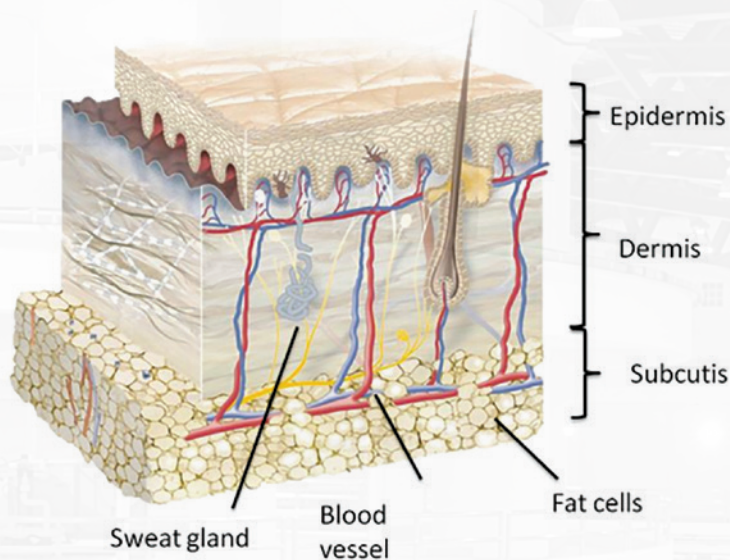
อุปกรณ์	การใช้งาน
Circulating Waterbath	ควบคุมอุณหภูมิของ cells ได้ในช่วงอุณหภูมิห้อง ถึง 45 องศาเซลเซียส มีค่าความถูกต้องอยู่ในช่วง ± 0.5 องศาเซลเซียส
Vision® Microette™	เป็นระบบ Automated diffusion testing ที่สามารถสั่งงานผ่านโปรแกรมเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความแม่นยำในการสุ่มเก็บตัวอย่างเวลาในการเก็บตัวอย่างได้ต่อเนื่องถึง 40 วัน
6-Cell Drive System (includes 6 VDCs)	สามารถติดตั้ง Cells ได้พร้อมกันอย่างน้อย 6 ชิ้น มีชุด Cells บรรจุสารละลาย 7 และ 12 มิลลิเมตร มี cell tops ที่เหมาะสมกับตัวอย่างอย่างหลากหลาย (ภาพที่ 2) และสามารถควบคุมการหมุนวนของสารที่ใส่ลงใน Cells ที่ความเร็วสูงสุด 2000 รอบต่อนาที
Vision® AutoFill™	Rack สำหรับวางขวดเก็บตัวอย่างที่เป็นระบบอัตโนมัติ



ภาพที่ 2 Vertical Diffusion Cells (Cell Tops) แบบ Standard Cell Top (ขาว) และ Open Cell Top with Cap (ซ้าย) โดย Standard Cell Top เหมาะกับตัวอย่าง ที่มีความหนืดสูง เช่น ครีม ขี้ผึ้ง เจล และ Open Cell Top with Cap เหมาะกับตัวอย่างที่มีความหนืดน้อย เช่น ยาน้ำ โลชั่น เป็นต้น

การประยุกต์ใช้งาน

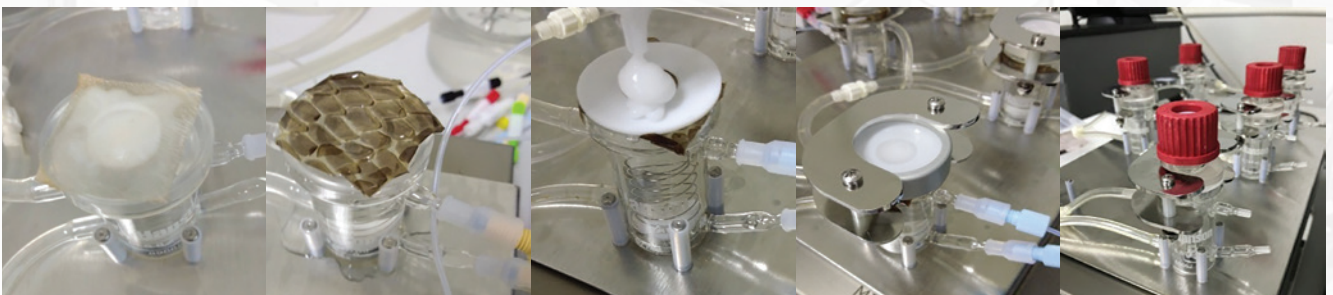
- ตรวจสอบความสามารถในการกักเก็บสารและการซึมแพร่ผ่านของสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนัง
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารสำคัญออกจากสูตรยาต่างๆ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการนำส่งสารสำคัญผ่านชั้นผิวหนังระดับต่างๆ



ภาพที่ 3 โครงสร้างผิวหนัง

ตัวอย่างเยื่อกันที่ใช้ในการทดสอบชนิดต่างๆ

ชนิดเยื่อกัน (Membrane)	ตำแหน่งการทดสอบ	ชนิดตัวอย่าง
ผิวหนังชั้นนอกของลูกหมู	ผิวหนังชั้นนอก (Epidermis)	ยา, เครื่องสำอางประเภท ครีม, เจล
ผิวหนังชั้นนอกจำลอง (Strat-M)	ผิวหนังชั้นนอก (Epidermis)	ยา, เครื่องสำอางประเภท ครีม, เจล
หลอดอาหารสัตว์	เยื่อเมือก (Mucosa), ช่องปาก	ยา, อาหารเสริม, เจล
คราบงู	ผิวหนังชั้นนอก (Epidermis), เส้นผม	ยา, เครื่องสำอางประเภท ครีม, เจล, ยาสระผม
กระดาศกรอง	การปลดปล่อย, การแพร่	ยา, ครีม, เจล
แผ่นไดอะไลซิส Dialysis	การปลดปล่อย, การแพร่	ยา, ครีม, เจล



ภาพที่ 4 การใช้ (1) หนังหมู (2) คราบงู เพื่อในทดสอบอัตราการซึมผ่านของครีมทาผิวต่อพื้นที่ต่อชั่วโมง

เครื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography (HPLC): Thermo Scientific รุ่น Dionex Ultimate 3000 System)

เครื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์สารผสม โดยอาศัยความแตกต่างในการละลายหรือการดูดซับของสารตัวอย่าง ในเฟสคงที่ (Stationary phase) ที่อาจจะเป็นของแข็งหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์ (Column) และของเหลวซึ่งเป็นเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) ทำให้เกิดอัตราการเคลื่อนที่ของสารตัวอย่างบนเฟสคงที่ ที่ต่างกันภายใต้ความดันสูง ทำให้เกิดการแยกของสารองค์ประกอบในตัวอย่าง โดยเฟสเคลื่อนที่จะเป็นตัวพาสารที่แยกได้จากการเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ไปสู่ตัวตรวจวัด (detector) แล้วแสดงผลเป็นโครมาโทแกรม สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detector and Refractive Index Detector



โหมดการตรวจวัด

- ส่วนตรวจวัดสารชนิดวัดดัชนีการหักเห (Refractive index detector (RI)) ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น RefractoMax 521 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 30-55 °C และวัดค่าดัชนีหักเหของแสงของสารละลายได้ในช่วง 1.00 - 1.75 RIU
- ส่วนตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดไดโอดอาร์เรย์ (Diode array detector (DAD)) Thermo Scientific รุ่น Dionex Ultimate 3000 Diode Array Detector สามารถตรวจวัดได้ในช่วงความยาวคลื่น 190-800 nm

คอลัมน์ที่รองรับการให้บริการ

- Accucore C18 (100 × 2.1 mm, 2.6 μm; Thermo Scientific)
- Hypersil GOLD (100 × 2.1 mm, 1.9 μm; Thermo Scientific)
- Hypersil GOLD HILIC (100 × 2.1 mm, 1.9 μm; Thermo Scientific)
- HYPERCARB (100 × 2.1 mm, 3 μm; Thermo Scientific)
- Acclaim 120 ° C8 (100 × 4.6 mm, 5 μm; Thermo Scientific)
- Acclaim Organic (OA) (150 × 3.0 mm, 3 μm; Thermo Scientific)
- Acclaim 300 ° C18 (150 × 2.1 mm, 3 μm; Thermo Scientific)
- HyperREZ XP carbohydrate Ca++ (300 × 7.7 mm, 8 μm; Thermo Scientific)

การประยุกต์ใช้งาน

- การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว โมเลกุลคู่ และโพลิแซคคาไรด์
- การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สารประกอบฟีนอลิก วิตามิน กรดอะมิโน และกรดอินทรีย์ต่าง ๆ เป็นต้น
- การวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อม

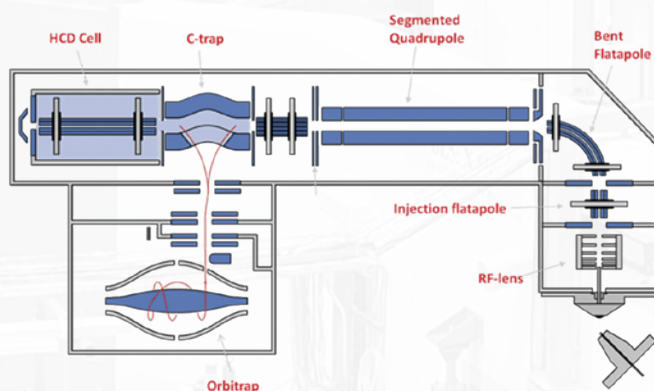
เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลว และวิเคราะห์มวลแบบประสิทธิภาพสูง

(High Resolution LC-MS/MS: Thermo Scientific รุ่น Q EXACTIVE Plus Orbitrap LC-MSMS System)



เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวและวิเคราะห์มวลแบบประสิทธิภาพสูง เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์สารผสมในตัวอย่างโดยอาศัยความแตกต่างในการละลายหรือการดูดซับของสารตัวอย่างในเฟสคงที่ (Stationary phase) ที่อาจจะ เป็นของแข็งหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์ (Column) และของเหลวซึ่งเป็นเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) ทำให้เกิด อัตราการเคลื่อนที่ของสารตัวอย่างบนเฟสคงที่ ที่ต่างกัน ภายใต้อิทธิพลของแรงดันสูง ไปสู่เครื่องวิเคราะห์มวลโมเลกุล (Mass spectrometer) ซึ่งประกอบด้วยชุดคัดเลือกมวลความละเอียดสูง แบบ Quadrupole และชุดวิเคราะห์มวลแบบความละเอียดสูง Orbitrap (High Resolution Accurate Mass) ทำให้มีความสามารถหลายหลายและมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ทั้งทางด้านคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์

รูปที่ 1 Q Exactive Plus-LC MSMS system
(ที่มา www.thermofisher.com
และ <https://planetorbitrap.com>)



คุณสมบัติของเครื่อง

- เครื่องวิเคราะห์มวล (Mass Analyzer) สามารถทำงานวิเคราะห์มวลได้ในโหมด MS และ MSMS โดยใช้เทคโนโลยี "Orbitrap" ซึ่งเป็นเครื่องไอออนไซโคลตรอนเรโซแนนซ์
- เครื่องวิเคราะห์มวลสามารถแยกมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่มีความละเอียด (Resolution) 280,000 FWHM ที่ m/z 200
- สามารถแยกสารที่มีมวลต่างกันได้ในระดับน้อยกว่า 0.0008 m/z
- สามารถวัดมวลได้ในช่วง 50-6,000 m/z
- มีค่าความถูกต้องในการวัดมวล (Mass Accuracy) น้อยกว่า 3 ppm RMS เมื่อใช้ external calibration และน้อยกว่า 1 ppm RMS เมื่อใช้ internal calibration
- มีชุดกำเนิดไอออนชนิด Atmospheric Pressure Ionization (API) Source ซึ่งมีชนิดของโพรบสำหรับสร้างไอออนแบบ Electrospray Ionization (ESI) และ Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI)
- Detection Limit ที่ต่ำกว่า 10 โมล

โหมดการตรวจวัด

- โหมดการวัดแบบ Full MS Scan คือ การวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลของสารทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอย่างโดยหลังจากเกิดการ Ionization ที่ชุดกำเนิดไอออน มวลประจุที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ Quadrupole แล้วต่อไปยังไปที่ Orbitrap Mass Analyzer เพื่อวิเคราะห์มวลแบบละเอียด โดยไม่มีการแตกตัวของมวลประจุที่ HCD Cell (Collision Cell)
- โหมดการวัดแบบ Selected Ion Monitoring (SIM) คือ โดยหลังจากเกิดการ Ionization ที่ชุดกำเนิดไอออน Quadrupole Mass Analyzer จะคัดเลือกเฉพาะมวลประจุของสารที่ถูกกำหนดไว้ แล้วส่งผ่านไปวิเคราะห์มวลแบบละเอียดสูงที่ Orbitrap Mass Analyzer โดยไม่มีการแตกตัวของมวลประจุที่ HCD Cell (Collision Cell)
- โหมดการวัดแบบ Parallel Reaction Monitoring (PRM) คือ การตรวจวัดสารที่สนใจโดยกำหนดมวลประจุแม่ (Parent ion หรือ Precursor ion) และชุดของมวลประจุลูก (Product ions) ซึ่งเป็นแบบแผนเอกลักษณ์เฉพาะของมวลประจุแม่นั้นๆ โดยลักษณะการแตกตัวของ Parent ion จะต้องให้ชุดของ product ions ตามที่กำหนดเท่านั้นเท่านั้นจึงจะถือว่าการพิสูจน์ชนิดของสารถูกต้อง ซึ่งถือเป็นโหมดการวัดที่มี Selectivity และ Sensitivity สูง
- โหมดการวัดแบบ All-Ion-Fragmentation (AIF) คือ การทำ Full Scan แบบ MS2 หรือ Full mass range fragmentation mode โดย Precursor ions ทุกๆ ไอออนที่ผ่านเข้ามาใน Quadrupole Mass Analyzer จะถูกส่งไปแตกตัวต่อที่ Collision cell แล้วถูกส่งไปวิเคราะห์มวลละเอียดสูงที่ Orbitrap Mass Analyzer ทำให้ได้ Fragmentation pattern แบบ Full-MS2 ซึ่งจัดเป็นข้อมูลการแตกมวลที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับงานประเภท untargeted screening และ targeted screening

คอลัมน์ที่รองรับการให้บริการ

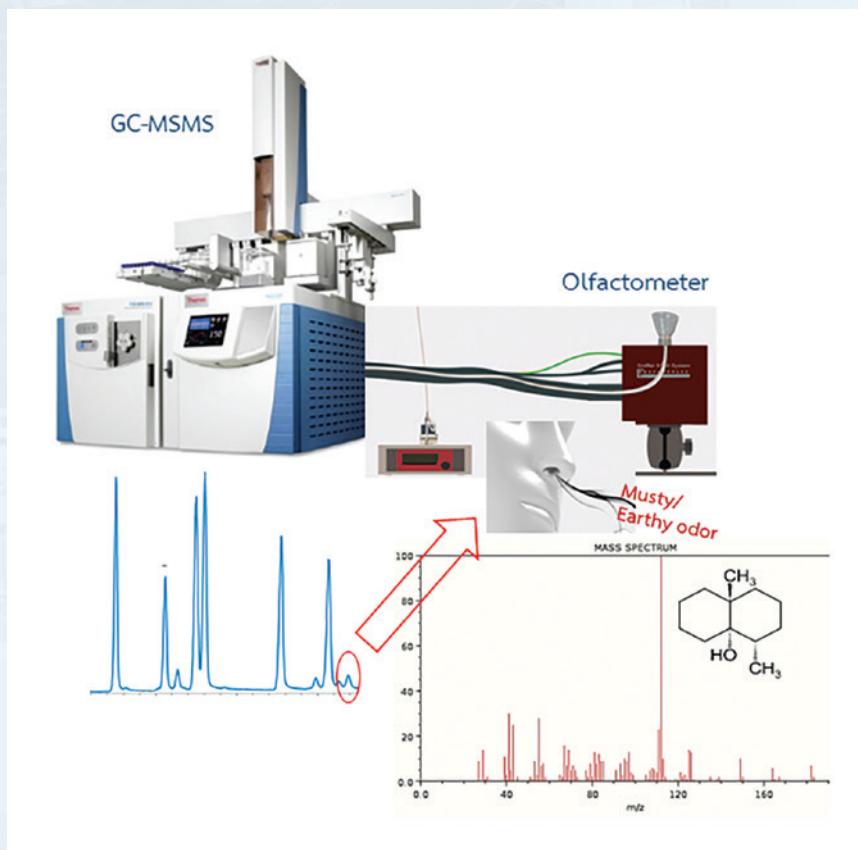
- Accucore C18 (100 × 2.1 mm, 2.6 μm; Thermo Scientific)
- Hypersil GOLD (100 × 2.1 mm, 1.9 μm; Thermo Scientific)
- Hypersil GOLD HILIC (100 × 2.1 mm, 1.9 μm; Thermo Scientific)
- HYPERCARB (100 × 2.1 mm, 3 μm; Thermo Scientific)
- Acclaim 120 ° C8 (100 × 4.6 mm, 5 μm; Thermo Scientific)
- Acclaim Organic (OA) (150 × 3.0 mm, 3 μm; Thermo Scientific)
- Acclaim 300 ° C18 (150 × 2.1 mm, 3 μm; Thermo Scientific)

การประยุกต์ใช้งาน

- การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย
- การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่าง 2 ตัวอย่างหรือมากกว่า หรือการเปรียบเทียบลายพิมพ์ระดับโมเลกุล (molecular fingerprint) ของตัวอย่าง สามารถใช้เป็นข้อมูลติดตามระดับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสภาวะควบคุมได้
- การศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีโดยรวมในระหว่างกระบวนการผลิต การแปรรูปและการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์
- การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสาร ชีวโมเลกุลแบบองค์รวม (Metabolomics) เช่น เพื่อติดตาม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับเมตาโบลิซึมของผู้รับประทานอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Foods) หรือผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
- การวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะตัวของสารชีวโมเลกุล (Metabolite identification and characterization)

เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี และวิเคราะห์มวลแบบประสิทธิภาพสูง

Gas Chromatography-Mass Spectrometer: Thermo Scientific รุ่น TRACE 1300- TSQ8000



รูปที่ 1 GC-MSMS-Olfactometer system
(ที่มา: ดัดแปลงจาก www.thermofisher.com; <https://www.brechbuehler.ch> และ <https://webbook.nist.gov>)

เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและวิเคราะห์มวลแบบประสิทธิภาพสูง เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์สารผสมที่มีคุณสมบัติในการระเหยได้ โดยสารจะถูกเปลี่ยนเป็นไอที่อุณหภูมิสูงแล้วถูกนำพาเข้าไปในคอลัมน์ด้วยเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) คือ carrier gas ภายในคอลัมน์บรรจุด้วยสารที่ทำหน้าที่แยกองค์ประกอบสารผสมเรียกว่า เฟสคงที่ (stationary phase) โดยสารจะถูกแยกด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมี โครงสร้าง น้ำหนักโมเลกุล จุดเดือด แล้วถูกตรวจวัดด้วยเครื่อง Mass Spectrometer (MS) เพื่อให้ทราบถึง Identity

ของสารนั้น ในขณะเดียวกันนอกจากจะถูกส่งผ่านไปยัง MS แล้ว สารที่แยกได้ยังถูกแบ่งเพื่อส่งผ่านมายังชุดตรวจวัดด้วยการดมกลิ่น (Olfactometer) ความสัมพันธ์ของเวลาที่ได้รับการกลั่นกับเวลาที่สารถูกตรวจวัดด้วย MS ทำให้ทำนายชนิดของสารและลักษณะการให้กลิ่นได้พร้อมๆ กัน โดยเทคนิคนี้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

คุณสมบัติของเครื่อง

- เครื่องวิเคราะห์มวล (Mass Analyzer) ชนิด Triple Quadrupole สามารถวิเคราะห์มวลได้ในช่วง (Mass range) 2 – 1000 u
- มีความสามารถในการแยกประจุ (Resolution) ได้ 1 amu และมีค่า SRM transitions 600 SRM transitions/s
- สามารถวิเคราะห์ในโหมด Full Scan, Selected Ion Monitoring (SIM) , Sequential Full Scan/SIM และ Selected Reaction Monitoring (SRM), Product Ion Scanning, Precursor Ion Scanning และ Neutral Loss Scanning
- มีฐานข้อมูลด้านปฏิกิริยาเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยา ยาเสพติดต่าง, metabolites, natural products และสามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มเติมเองได้
- มีชุดทดสอบกลิ่น (Olfactometer) เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่อง GC โดยผู้ใช้สามารถใช้จมูกดมกลิ่นสารที่แยกออกจากคอลัมน์เพื่อเปรียบเทียบผลการพิสูจน์ชนิดของสารด้วย Mass Spectrometer ได้

คอลัมน์ที่รองรับการให้บริการ

- TR-1MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 μ m; Thermo Scientific)
- TR-5MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 μ m; Thermo Scientific)
- TG-5MS (30 m x 0.32 mm x 0.5 μ m; Thermo Scientific)
- TR-Wax MS (60 m x 0.25 mm x 0.25 μ m; Thermo Scientific)
- TR-225 (30 m x 0.25 mm x 0.25 μ m; Thermo Scientific)
- TG-1310 MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 μ m; Thermo Scientific)
- TG-5SII (20 m x 0.18 mm x 0.18 μ m; Thermo Scientific)
- TR-35MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 μ m; Thermo Scientific)

การประยุกต์ใช้งาน

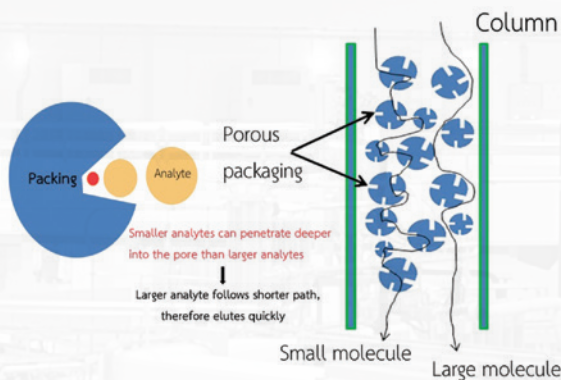
- วิเคราะห์สารประกอบต่างๆ ได้แก่ พวกสารประกอบไนโตรเจน สารประกอบของซัลเฟอร์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกรดไขมัน เป็นต้น
- วิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน มลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น สารประกอบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในน้ำ (Volatile organic Compounds, VOCs)
- วิเคราะห์สารประกอบให้กลิ่นที่เป็นดัชนีบ่งบอกความสด ความเก่า ความเสื่อม คุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ในอาหาร เช่น สารเฮกซะนอลในเนื้อสัตว์ที่บ่งบอกการเหม็นหืน
- วิเคราะห์สารประกอบให้กลิ่นที่สำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของพืชชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นเครื่องเทศและสมุนไพร
- พิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชที่ให้น้ำมันหอมระเหยหรือมีกลิ่นอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การเปรียบเทียบองค์ประกอบสารสำคัญที่ให้กลิ่นและสัดส่วนของสารองค์ประกอบในข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งปลูกในภูมิภาคที่ต่างกัน เป็นต้น

เครื่องวิเคราะห์หาน้ำหนักโมเลกุล

Gel Permeation Chromatography (GPC)



เทคนิค GPC เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับวิเคราะห์หาน้ำหนักโมเลกุล และการกระจายน้ำหนักในโมเลกุลของสาร โดยอาศัยหลักการ แยกโมเลกุลตามขนาดที่แตกต่างกัน โดยใช้คอลัมน์ที่บรรจุ ด้วยเม็ดพอลิเมอร์สังเคราะห์ขนาดเล็กที่มีรูพรุนต่าง ๆ กัน ในการแยก สารประกอบ ซึ่งโมเลกุลที่มีขนาดเล็กจะสามารถแพร่ผ่านเข้าไปใน รูพรุนทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้ช้าและออกมาจากคอลัมน์โดยใช้ ระยะเวลาที่นานกว่าโมเลกุลขนาดใหญ่ ดังแสดงดังรูปที่ 1



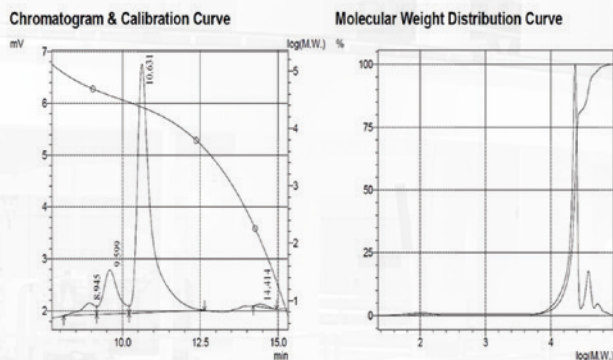
รูปที่ 1 แสดงหลักการแยกสารที่มีโมเลกุลแตกต่างกันภายในคอลัมน์

โหมดการตรวจวัด

1. ส่วนตรวจวัดสารชนิดวัดดัชนีการหักเห (Refractive index detector (RI)) สามารถเลือกการวัดค่าดัชนีหักเหของสาร ได้ดังนี้ คือ
 - A Mode : สำหรับการวิเคราะห์แบบ High Sensitivity ซึ่งสามารถวัดค่าได้ในช่วง 0.01×10^{-6} ถึง 500×10^{-6} RIU
 - P Mode และ L Mode : สำหรับการวิเคราะห์แบบ Semi-Prep และ Prep โดยสามารถตั้งค่า Flow Rate ได้สูงสุด 20 มิลลิลิตรต่อนาที ซึ่งสามารถวัดค่าได้ในช่วง 1×10^{-6} ถึง $5,000 \times 10^{-6}$ RIU
2. ส่วนตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาร์เรย์ (Photodiode Array Detector (PDA))
 - สามารถใช้งานได้ในช่วงความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า 190-800 นาโนเมตร
 - สามารถเลือกทำการวิเคราะห์ได้ทั้ง Single และ Dual wavelength
 - หลอดกำเนิดแสงเป็นชนิดตัวที่เรียบและทั้งสแตน
 - สามารถควบคุมอุณหภูมิของ Cell ได้ในช่วง 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 50 องศาเซลเซียส

ความสามารถในการวิเคราะห์

- มีความสามารถใช้งานได้ทั้งระดับ Analytical และ Semi-Preparative
- มีระบบฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto-Sampler) เป็นระบบ Total-Volume Sample Injection และ Variable Sample Injection Volume สามารถทำการฉีดซ้ำได้จำนวน 30 ครั้งต่อตัวอย่าง และสามารถตั้งอุณหภูมิการใช้งานได้ในช่วง 4 - 40 องศาเซลเซียส
- มีตู้ควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในตั้งแต่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง 10 องศาเซลเซียสจนถึง 85 องศาเซลเซียส
- มีโปรแกรม Lab Solutions GPC Software สามารถรองรับการวิเคราะห์ HPLC การคำนวณการวิเคราะห์ GPC และ 2D หรือ 3D analysis ได้



รูปที่ 2 แสดงกราฟสารมาตรฐาน (Calibration Curve) และการวิเคราะห์หามวลโมเลกุล และการกระจายตัวของน้ำหนักในโมเลกุลของสารจากกราฟมาตรฐาน

การประยุกต์ใช้งาน

- การแยกบริสุทธิ์โมเลกุลของสารแต่ละชนิดได้ เช่น โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต โดยอาศัยหลักการแยกโดยใช้ขนาดโมเลกุล
- วิเคราะห์มวลโมเลกุลตัวอย่างแบบที่อ้างอิงกับสารมาตรฐาน โดยทำกราฟเทียบมาตรฐาน (ดังแสดงในรูปที่ 2)
- วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุลโดยจำนวน (M_n), ค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุลโดยน้ำหนัก (M_w) และ M_w/M_n (poly-dispersity) เพื่อหาการกระจายน้ำหนักในโมเลกุลของสาร

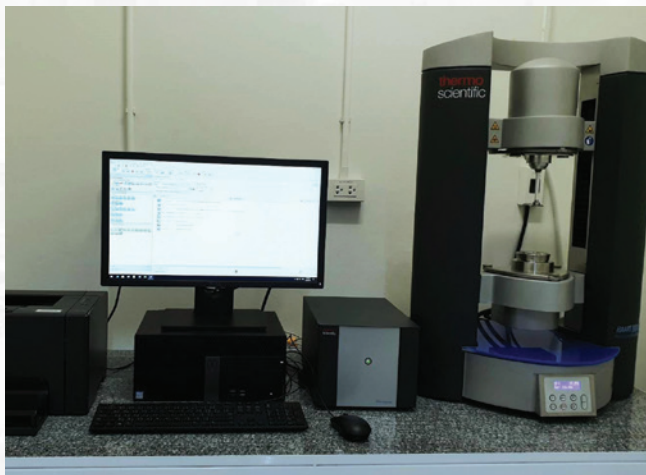
คอลัมน์ที่รองรับการให้บริการ (เหมาะสำหรับงานที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำเท่านั้น)

- SB-802.5HQ : สามารถตรวจวัดขนาดมวลโมเลกุลได้ในช่วง 500-10,000 Da เทียบกับสารมาตรฐาน pullulan และสามารถตรวจวัดขนาดมวลโมเลกุลได้ในช่วง 100-2,000 Da เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน PEG/PEO
- SB-806M HQ: สามารถตรวจวัดขนาดมวลโมเลกุลได้ในช่วง 500-20,000,000 Da เทียบกับสารมาตรฐาน pullulan และสามารถตรวจวัดขนาดมวลโมเลกุลได้ในช่วง 200-20,000,000 Da เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน PEG/PEO
- Shodex column Protein LW-803 สามารถตรวจวัดขนาดมวลโมเลกุลได้ในช่วง 10,000-700,000 Da

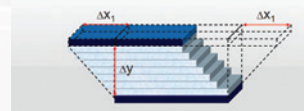
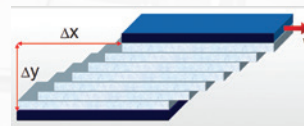
เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) รุ่น HAAKE MARS 40

เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาถึงสมบัติการไหลและพฤติกรรมของไหลที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำ HAAKE MARS 40 Rheometer จะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของของไหลที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราเฉือน (shear rate) ความเค้นเฉือน (shear stress) และอุณหภูมิ โดยสามารถวัดได้ทั้งแบบหมุนเหวี่ยง (rotation mode) และหมุนเหวี่ยงสั่น (oscillation mode) ใช้ในการวัดกระแสความหนืด (viscosity profile) จุดเคลื่อนตัว (yield point) ความเป็นทริโซโทรปิก

(thixotropic) คุณสมบัติความเป็นวิสโคอีลาสติก (visco-elasticity) ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์สมบัติทางด้านไทรโบโลยี (Tribology) ซึ่งเกี่ยวกับการเสียดทาน การสึกหรอและการหล่อลื่น และวิเคราะห์สมบัติทางเนื้อสัมผัส (Texture profile) ในแง่การแตกหักของชิ้นงาน สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น สารแขวนลอยครีม เจล น้ำมัน ฯลฯ จึงเหมาะกับการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้ง อาหาร เครื่องสำอาง ยา และพอลิเมอร์



ลักษณะการหมุน

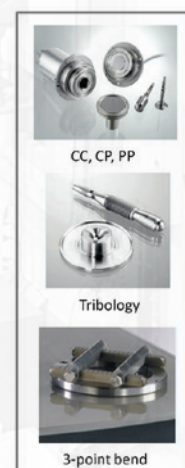


ฟังก์ชันการทดสอบ

- Flow Behavior
- Viscosity Curve
- Thixotropic
- Yield stress
- Creep and recovery
- Amplitude Sweep
- Frequency Sweep
- Temperature Sweep
- Time Sweep

รูปที่ 1 เครื่อง HAAKE MARS 40 Rheometer

ระบบตรวจวัด (measuring system)	ลักษณะตัวอย่าง
Concentric cylinders, CC	Low-viscosity liquids, Solvent-borne coating
Cone and plate 2°, CP	Dispersion containing limited particle size (<10 μm)
Parallel-Plates, PP	Dispersions containing coarse particles, paste, cream, gel-like material, polymer melts
Vane Rotor	Gel-like material
Tribology	Low-viscosity liquid, oil, grease
Three point bend	Solid material



การประยุกต์ใช้งาน

- ศึกษาคุณสมบัติลักษณะการไหลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนด้วยวิธีทางกลต่างๆ เช่น การบด การปั่น การทำให้เกิดโฟม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ศึกษาคุณสมบัติความเป็นวิสโคอีลาสติกของผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารเติมเสริมหน้าที (ingredient) เพื่อพัฒนาสูตรอาหารพร้อมทานและอาหารเพื่อสุขภาพ ให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสและลักษณะปรากฏที่คล้ายคลึงกับสูตรเดิม
- พัฒนาสูตรเครื่องสำอางให้มีความสามารถในการปาดทา ลักษณะปรากฏ รวมถึงความสามารถในการไหลออกจากบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
- ตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิต่างๆ เพื่อประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
- การทดสอบความต้านทานการสึกหรอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยลดแรงเสียดทาน และการสึกหรอระหว่างส่วนต่อกันของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว
- การทดสอบความสามารถในการบดเคี้ยวและกลืน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสง, ส่องผ่านแสง และการสะท้อนแสง UV-Vis-NIR



เครื่อง UV-Vis-NIR ยี่ห้อ PerkinElmer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดการดูดกลืนแสง (Absorbance) การส่องผ่านแสง (Transmittance) และการสะท้อนแสง (Reflectance) ซึ่งปริมาณการดูดกลืนแสงจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ทำให้เทคนิค UV-Vis-NIR สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบสารได้อย่างหลากหลายทั้งในกลุ่มสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสารประกอบเชิงซ้อนที่ดูดกลืนรังสีในช่วงดังกล่าวได้

คุณลักษณะเฉพาะ

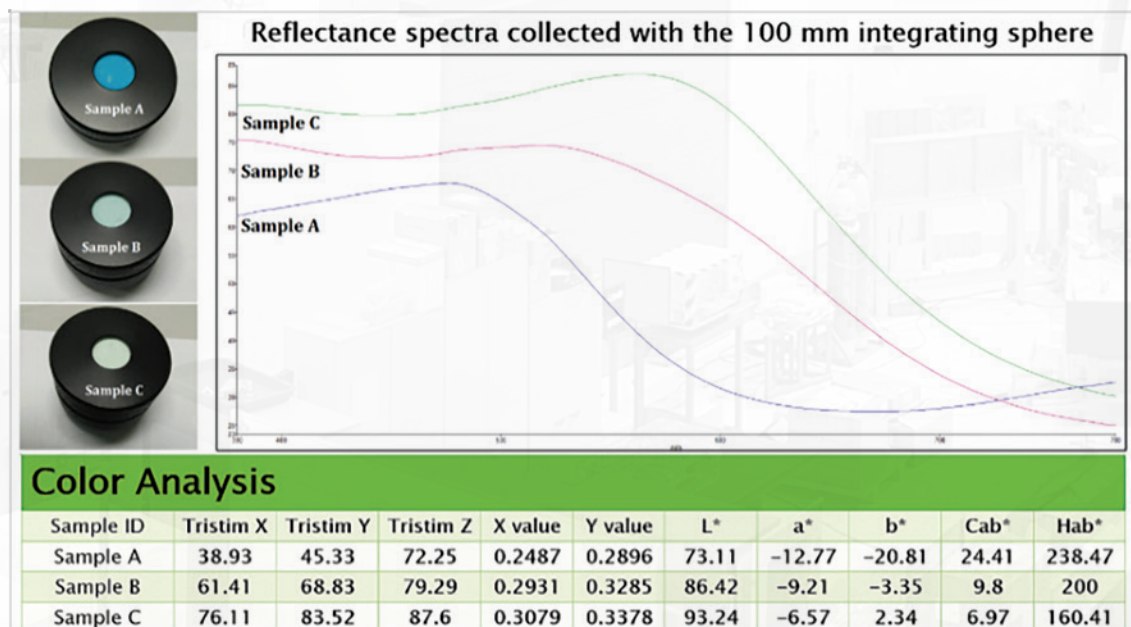
- มีระบบการวัดการดูดกลืนแสงเป็นแบบลำแสงคู่ (Double beam Spectrophotometer) สามารถทดสอบค่าการส่องผ่าน (Transmittance) และการดูดกลืน (Absorbance) ของแสงในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 175 ถึง 3300 นาโนเมตร
- มีชุด Integrating Sphere ขนาด 100 มิลลิเมตร สำหรับทดสอบค่า Transmittance และ Reflectance ของพื้นผิวตัวอย่าง สามารถทดสอบได้ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 ถึง 2500 นาโนเมตร

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิค UV-Vis-NIR

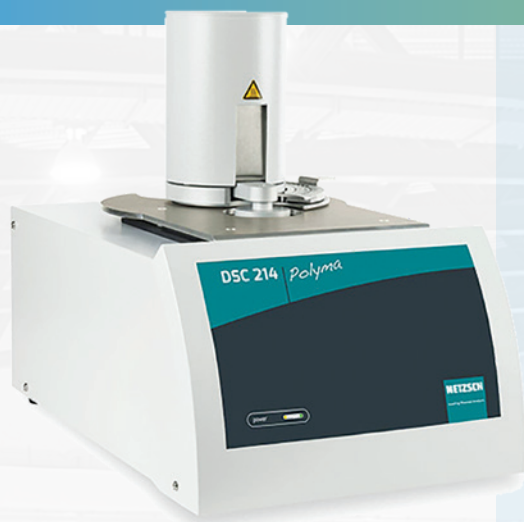
- ศึกษาการดูดกลืนและการส่องผ่านของแสงของตัวอย่าง เช่น กระจกอาคาร แว่นตากันแดด คอนเทคเลนส์ กระจกเคลือบด้วยฟิล์มบาง หมึกพิมพ์ เครื่องสำอาง โปรตีน เเคเอ็นเอ เป็นต้น
- ศึกษาการสะท้อนของแสงในตัวอย่างฟิล์ม ฟิล์มบางที่เคลือบบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ผงโลหะ ผงออกไซด์ของโลหะ ผงสี พลาสติก และเซรามิก เป็นต้น

โปรแกรมการจัดการข้อมูล (Data processor)

- โปรแกรมคำนวณค่าสี (Color software) จากสเปกตรัมของสารตัวอย่างโดยแสดงค่าตามมาตรฐานแบบ Tristimulus values (XYZ), CIE $L^*a^*b^*$ ได้
- โปรแกรมการวิเคราะห์ค่า light transmittance, solar direct transmittance, ultraviolet transmittance สำหรับกระจกอาคาร ตามมาตรฐาน ISO 9050
- โปรแกรมทดสอบสมบัติด้านความใสและความขุ่นของพลาสติก (Haze) ตามมาตรฐาน ASTM D-1003



เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC)



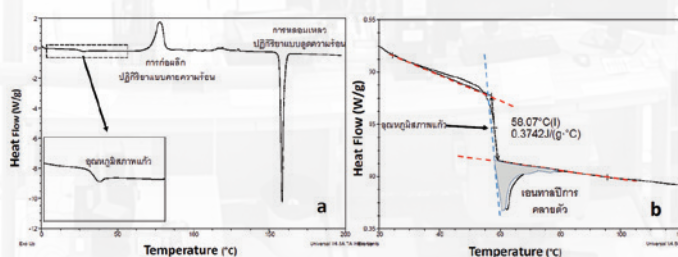
เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางความร้อน (Differential Scanning Calorimeter; DSC) รุ่น DSC 214 Polyma, NETZSCH เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณและพลังงานของวัสดุโดยเทียบกับสารอ้างอิง ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศในการเกิดปฏิกิริยาตามโปรแกรม ภาชนะสำหรับบรรจุตัวอย่างและสารอ้างอิงจะถูกวางในเตาเผาเดียวกัน และ เชื่อมต่อกับตัวตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงปริมาณความร้อน โดยวัดการเปลี่ยนแปลงการไหลของความร้อน (Heat flow) ของสารตัวอย่าง เทียบกับสารอ้างอิง ผลการวิเคราะห์ที่ได้แสดงเป็นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (แกน X) เทียบกับค่าการไหลของความร้อนของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสารอ้างอิง (แกน Y) แต่เนื่องจากค่าการไหลของความร้อนไม่สามารถวัดได้โดยตรงเหมือนกับการวัดค่าอุณหภูมิ จึงทำการวัดอุณหภูมิของสารตัวอย่าง เทียบกับสารอ้างอิงเป็นอัตราส่วนค่าด้านทางความร้อน (Thermal Resistant) ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณพลังงานความร้อน (Enthalpy) อุณหภูมิการหลอมเหลว (Melting Transition) การตกผลึก (Crystallization) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเฟส อุณหภูมิสถานะคล้ายแก้ว (Glass Temperature: T_g) เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานวิจัย หรืองานควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น พอลิเมอร์ สิ่งทอ อาหาร เครื่องสำอาง และยา เป็นต้น

คุณลักษณะเฉพาะ

- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ (Temperature Range): -170°C ถึง 500°C
- อัตราการให้ความร้อนหรือทำความเย็น (Heating / Cooling Rate): 0.01 ถึง $500^{\circ}\text{C}/\text{min}$
- ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ (Sample Weight): ประมาณ $5-10\text{ mg}$
- สภาพบรรยากาศที่ใช้ในการทดสอบ: N_2 , O_2 และ Synthetic Air
- อัตราการไหลของแก๊สที่ใช้: $4-200\text{ ml}/\text{min}$

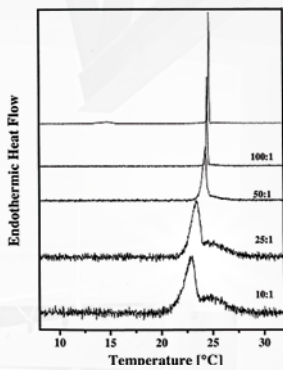
การประยุกต์ใช้งาน

- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของผลึกยา เช่น การหลอมเหลว การตกผลึก การเปลี่ยนรูปของพหุสัณฐาน (polymorph) และ อุณหภูมิสภาพคล้ายแก้ว (T_g) เป็นต้น¹



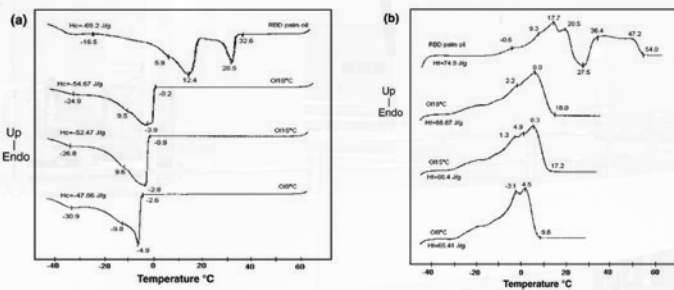
รูปที่ 1 (a) DSC Thermogram แสดงอุณหภูมิสภาพคล้ายแก้ว (T_g) การตกผลึก และการหลอมเหลวของยาพาราเซตามอล (b) ภาพขยายอุณหภูมิสภาพคล้ายแก้วที่วัดจากจุดกึ่งกลางของเส้นพื้น (Baseline) ที่เปลี่ยนแปลงไป

- ศึกษาอิทธิพลของการเติมตัวต้านเชื้อแบคทีเรีย (antimicrobial peptide Gramidicin S: GS) ต่อพฤติกรรมทางความร้อนของ Multilamellar Vesicles ของ Dimyristoyl Phosphatidylcholine (DMPC MLVs) ที่มีอัตราส่วนของไขมันและเปปไทด์ต่างกัน²



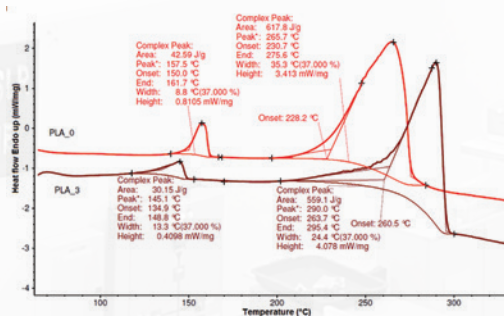
รูปที่ 2 DSC Diagram แสดงลักษณะพฤติกรรมทางความร้อนของ Gramidicin S และ DMPC MLVs ที่มีอัตราส่วนของไขมันและเปปไทด์ต่างกัน

- ตรวจหาอุณหภูมิหลอมเหลว และอุณหภูมิเกิดผลึกของน้ำมันปาล์มที่ขัดสี และปรับกลิ่น (RBD Palm oil) และน้ำมันปาล์มโอเลอิน³



รูปที่ 3 DSC (a) Cooling และ (b) Melting Thermo grams ของน้ำมันปาล์มขัดสีและปรับกลิ่น (RBD Palm oil) และน้ำมันปาล์มโอเลอิน

- ศึกษาสมบัติเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid: PLA) หลังจากผ่านการปรับปรุงโดยการเติม Succinic Anhydride เพื่อช่วยลดจุดหลอมเหลวและความเป็นผลึก⁴



รูปที่ 4 DSC Curves ของ พอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid: PLA) มวลโมเลกุลต่ำที่สังเคราะห์ด้วยวิธี Azeotropic Dehydration Condensation (PLA0) และ PLA ที่ปรับปรุงด้วย Succinic Anhydride (PLA3)

เอกสารอ้างอิง

- Tipduangta, P. and Sirithunyalug, J., Fundamental Principle and Applications of Thermal Analysis by Differential Scanning Calorimetry in Pharmaceutical Solid-State Formulations, Thai Bull Pharm Sci, 2018, 13(2), 129-143.
- Prenner, E.J., Lewis, R.N.A.H., Kondejewski, L.H., Hodges, R.S. and McElhaney R.N., Differential scanning calorimetric study of the effect of the antimicrobial peptide gramicidin S on the thermotropic phase behavior of phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine and phosphatidylglycerol lipid bilayer membranes, Biochim Biophys Acta Biomembr, 1999, 1417(2), 211-223.
- Zaliha O., Chong C.L., Cheow, C.S., Norizzah, A.R. and Kellens, M.J., Crystallization properties of palm oil by dry fractionation, Food Chemis, 2004, 86, 245-250.
- Gregorova, A., Application of differential scanning calorimetry to the characterization of biopolymers, Applications of Calorimetry in a Wide Context-Differential Scanning Calorimetry, Isothermal Titration Calorimetry and Microcalorimetry, Amal Ali Elkordy, IntechOpen, 2013, 1-20.

เครื่องจำลองระบบย่อยอาหารของมนุษย์

Artificial digestive system: Tiny TIM



ภาพที่ 1 ภาพองค์ประกอบเครื่อง Tiny-TIM

เครื่องจำลองระบบย่อยอาหารของมนุษย์ (Artificial digestive system) รุ่น Tiny TIM เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาคอนสุมัตติของอาหารที่ภายใต้ระบบย่อยอาหารของร่างกายสามารถตั้งค่าการทำงานของระบบย่อยอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น คนที่มีร่างกายปกติสมบูรณ์ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้สูงอายุ หรือเด็กแรกเกิด เพื่อให้สามารถติดตามสารต่างๆ ที่สนใจได้ในทุกจุดของระบบย่อยอาหาร เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการคงตัวหรือสลายตัว การดูดซึม การเปลี่ยนแปลง การทำปฏิกิริยากับสารชนิดอื่น และผลกระทบต่อลำไส้หรือประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถนำมาใช้ในการศึกษาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ให้มีทั้งสมบัติเชิงหน้าที่และคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ

คุณลักษณะเฉพาะ

- โมดูลระบบกระเพาะอาหาร (Gastric compartments)
- โมดูลระบบลำไส้เล็ก (Small intestinal compartment)
- ระบบ Automatic sampling ของระบบกระเพาะอาหาร และระบบลำไส้เล็กที่ผ่านชั้นกรองแยกอาหาร



ภาพที่ 2 ภาพ Auto Sampling ของเครื่อง Tiny-TIM



ภาพที่ 3 ภาพ Auto Sampling ของเครื่อง Tiny-TIM (ต่อ)

เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องปฏิบัติการ

Mini Spray Dryer : Buchi Mini Spray Dryer B-290

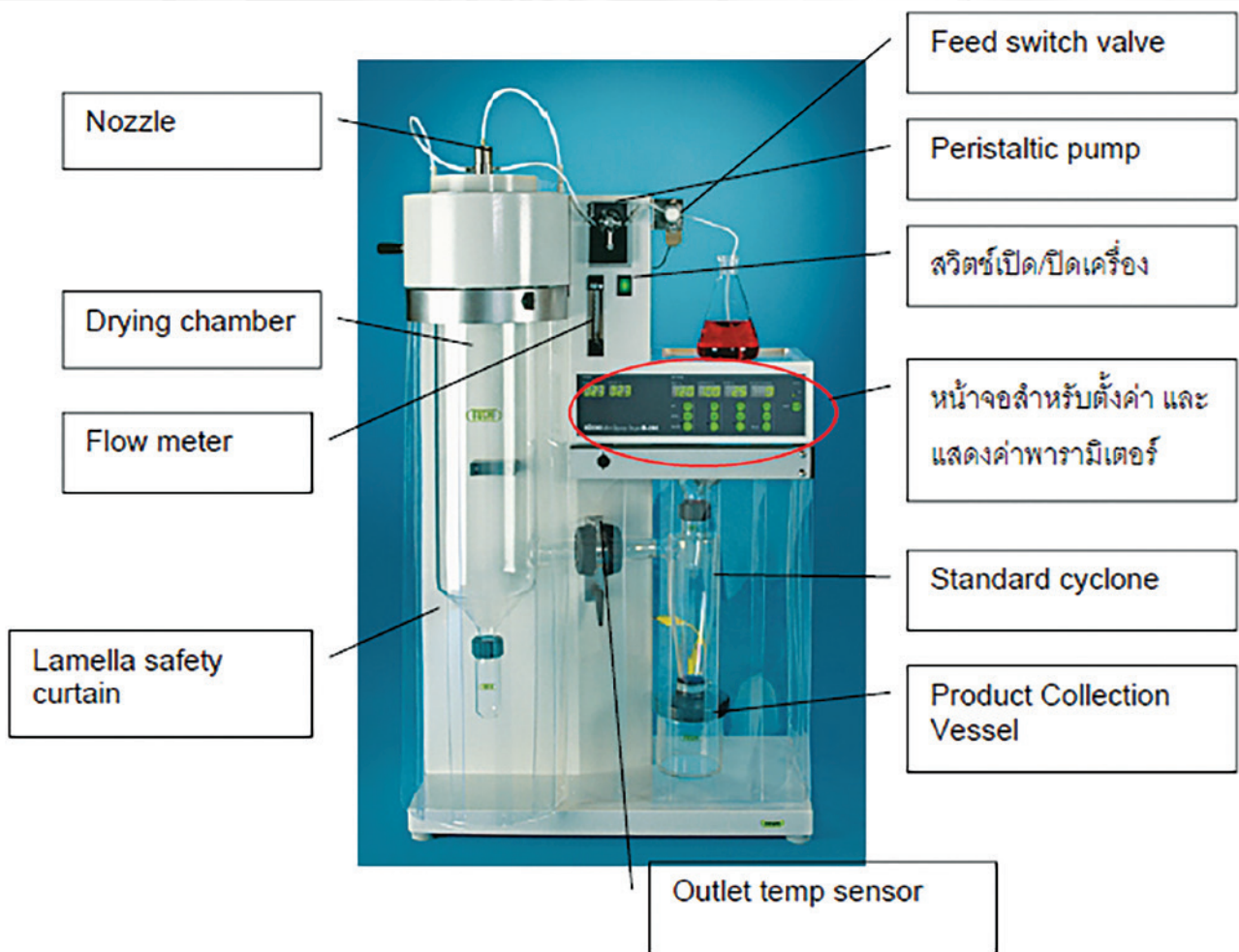


การทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อระเหยนํ้าออกจากของเหลวอย่างรวดเร็วโดยอากาศร้อน กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยการพ่นของเหลวออกมาจนเป็นละอองขนาดเล็ก เข้าผสมกับอากาศร้อนที่ไหลผ่านอย่างรวดเร็ว ทำให้นํ้าที่อยู่ในละอองของเหลวระเหยไปทั้งหมด และได้ผลิตภัณฑ์ในรูปของผงแห้ง เช่น นมผง ไข่ผงและนํ้าผลไม้ ซึ่งเป็นกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้เทคนิคในการตรึงสารสำคัญให้อยู่ในรูปของแคปซูลที่ถูกหุ้ม (Encapsulate) ครอบคลุมการใช้งานในหลายกลุ่มงานวิจัย เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้านอาหารและอาหารเสริม เป็นต้น

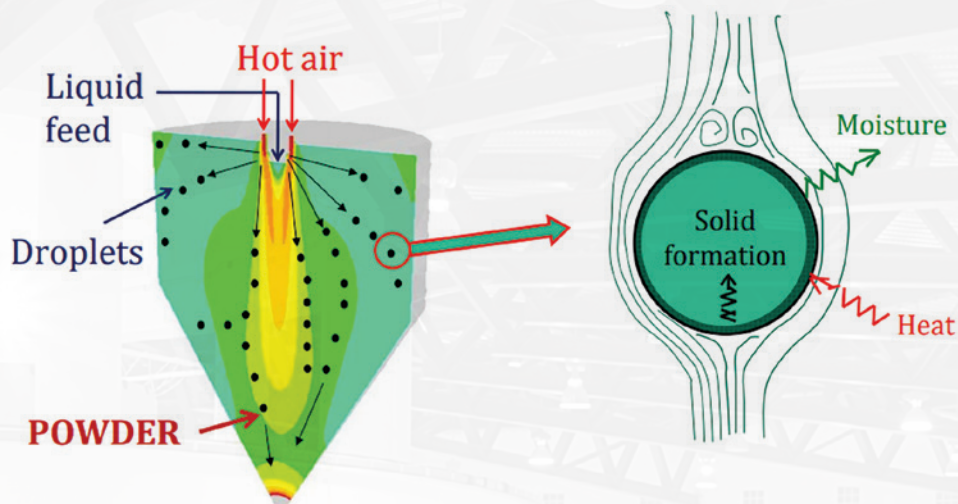
สารตัวอย่าง	ระบบที่ใช้	ชุดเครื่องมือ
สารตัวอย่างมีน้ำเป็นตัวทำละลาย 100%	ระบบเปิด - อากาศ	ชุด B-290 standard
สารตัวอย่างมีตัวละลายอินทรีย์เป็นองค์ประกอบไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 50% สำหรับกรณีเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีจุดเดือดสูง ($>70^{\circ}\text{C}$)	ระบบปิด - แก๊สไนโตรเจน	ชุด B-290 Advanced
สารตัวอย่างมีตัวทำละลายอินทรีย์เป็นตัวทำละลายในช่วง 50-90% หรือเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีจุดเดือดต่ำ ($<70^{\circ}\text{C}$) ที่มีอัตราส่วนในช่วง 20-50%	ระบบปิด - แก๊สไนโตรเจน	ชุด B-290 Advanced
สารตัวอย่างมีน้ำเป็นตัวทำละลายไม่เกิน 10%	ระบบปิด - แก๊สไนโตรเจน	ชุด B-290 Advanced
สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งที่มีจุดหลอมเหลวไม่เกิน 70°C	อากาศเย็น	ชุด B-290

คุณลักษณะเฉพาะ

- เส้นผ่านศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์ที่ได้ อยู่ในช่วง 1-25 μm
- ปริมาตรสารตัวอย่างต่ำสุดที่สามารถทำได้ 10 มิลลิลิตร
- สามารถระเหยน้ำได้สูงสุดประมาณ 1 ลิตร ต่อชั่วโมง
- อุณหภูมิ input ตั้งแต่ 40-220 $^{\circ}\text{C}$
- Cyclone เคลือบด้วยสารนำไฟฟ้า (Electrically conductive coating) เพื่อลดการสูญเสียสารตัวอย่างเนื่องจากการเกิดไฟฟ้าสถิต
- หัวฉีด (Nozzle) เป็นแบบ Two-fluid nozzle และแบบ Three-fluid nozzle สามารถจ่ายสารตัวอย่างพร้อมกัน 2 ชนิด เพื่อการเคลือบสารผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค Encapsulation



ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่อง Mini-spray dryer B-290



ภาพที่ 2 กระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยภายใน **Drying chamber** (Mujumdar, 2011)

การประยุกต์ใช้งาน

เครื่องต้ม	Flavours & Colourings
ผลิตภัณฑ์อาหาร	Milk & Egg Products Plant & Vegetable Extracts
ยา	Heat Sensitive Materials
สารให้กลิ่น	Perfumes
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	Soaps & Detergents

เอกสารอ้างอิง

Arun S. Mujumdar. (2011). Spray Drying of Foods. International Workshop on Drying of Food and Biomaterials. Available at: <http://www.kmutt.ac.th/dtrl/pdf/Spray%20Drying%20of%20Foods.pdf>.

เครื่องทำปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการ

Laboratory Reactor: IKA® LR 1000 basic

เครื่องทำปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการ หรือเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (รุ่น IKA® LR 1000 basic) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสาร ที่ต้องควบคุมพารามิเตอร์ปฏิกิริยา เช่น อุณหภูมิ ความเร็วรอบ การบดผสม อัตราการเติมสารเติมแต่งหรือค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสภาวะกระบวนการทดลองในระดับลิตร ควบคุมอัตราการให้ความร้อน-ความเย็นได้ และรักษาระดับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ สามารถจำลองและเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเคมี กระบวนการเกิดปฏิกิริยาสารเคมีและยังสามารถใช้สำหรับการกวนผสม การผกผันและการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน การทำให้เกิดการแตกตัว (Dispersion) และทำให้สารเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization) ได้ ทั้งรูปแบบที่เป็น Suspension และ Emulsification ช่วยให้สารตัวอย่างเกิดปฏิกิริยาในสภาวะที่เหมาะสม สามารถระบุสภาวะที่ดีที่สุดของปฏิกิริยาได้อย่างถูกต้อง ให้เกิดการสังเคราะห์สารในรูปแบบใหม่ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และยา



คุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์ประกอบ	ข้อมูลทางเทคนิค
ชุดกวนสาร (Laboratory reactor)	กวนสารละลายปริมาตร 300-1000 มิลลิลิตร ความหนืดสูงสุด 100,000 มิลลิพาสคาล ความเร็วต่อเนื่อง 10-150 รอบต่อนาที อุณหภูมิ -20 °C ถึง 120 °C ความดันสูงสุด 25 มิลลิบาร์
เครื่องลดขนาดอนุภาคพร้อมปั่นผสม (Homogenizer) บันทึตัวอย่างละเอียด	ปั่นผสมของเหลวปริมาตร 1-2,000 มิลลิลิตร ความหนืดสูงสุด 5,000 มิลลิพาสคาล ความเร็วต่อเนื่อง 600-25,000 รอบต่อนาที ทนความเป็นกรด-ด่าง 2-13 อุณหภูมิสูงสุด 220 °C ความดันสูงสุด 6 มิลลิบาร์
Suspension 5-25 ไมโครเมตร Emulsion 1-5 ไมโครเมตร	
ชุดทำสุญญากาศ (Vacuum pump, Vacuum controller)	อัตราการดูดอากาศต่ำสุด 1.7 ลิตร/ชม ระบบสุญญากาศต่ำสุด 7 มิลลิบาร์ หรือ 15 มิลลิบาร์ (เมื่อเปิด gas ballast)
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนวน (Recirculating chiller)	ควบคุมอุณหภูมิ -20 °C ถึง อุณหภูมิห้อง ความชื้นสูงสุด 80%

เครื่องตัดตัวอย่างแบบบาง Rotary Microtome Leica: RM2245



Rotary Microtome เป็นเครื่องเตรียมตัวอย่างให้มีความบางตามที่ต้องการ โดยการตัดชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมตัวอย่างตามความเหมาะสม ตัวอย่างที่สามารถตัดได้ เช่น ชิ้นเนื้อชนิดต่างๆ ส่วนต่างๆ ของพืช พอลิเมอร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีความแข็งน้อยกว่าไบมิต โดยสามารถเตรียมตัวอย่างที่มีความหนาได้ในช่วง 0.5-100 ไมครอน สามารถตัดแต่งหน้าบล็อกตัวอย่างได้

ในช่วง 1-600 ไมครอน ที่ยึดจับบล็อกตัวอย่างสามารถปรับมุมมองสาค้นหาระดับได้ ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ได้ 8 องศา สามารถตัดตัวอย่างที่มีขนาดยาว 50 มิลลิเมตร สูง 60 มิลลิเมตร กว้าง 40 มิลลิเมตรระยะเคลื่อนตัวของบล็อกตัวอย่างในแนวตั้งได้ 70 มิลลิเมตร

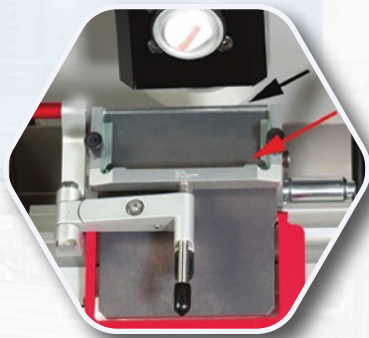
สามารถตั้งความหนาของการตัดตัวอย่างในช่วง 0.5-10 ไมครอน และสามารถตั้งความละเอียดของการตัดในแต่ละช่วงได้ละเอียด ดังต่อไปนี้

- การปรับในช่วง 0.5-5 ไมครอน สามารถปรับค่าความละเอียดได้ 0.5 ไมครอน
- การปรับในช่วง 5-20 ไมครอน สามารถปรับค่าความละเอียดได้ 1 ไมครอน
- การปรับในช่วง 20-60 ไมครอน สามารถปรับค่าความละเอียดได้ 5 ไมครอน
- การปรับในช่วง 60-100 ไมครอน สามารถปรับค่าความละเอียดได้ 10 ไมครอน

เครื่องตัดตัวอย่างแบบบางที่อุณหภูมิต่ำ

Cryotome Leica: Cryostat CM1950

Cryotome เป็นเครื่องตัดตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำที่มีความบางตามที่ต้องการ โดยการตัดชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการแช่แข็งด้วยสารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง (Cryo-protectant) ที่อุณหภูมิติดลบ ให้มีความหนาได้ในช่วง 1-100 ไมครอนสามารถตัดแต่งหน้าบล็อกตัวอย่าง ได้ในช่วง 1-600 ไมครอน สามารถทำอุณหภูมิตัวอย่างได้ถึง -40°C สามารถเอียงตัวอย่าง แนวแกน X และ Y ได้ 8 องศา แทนรองตัวอย่างหมุนได้ 360 องศา ตัวอย่างที่สามารถเตรียมได้ เช่น ชิ้นเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ส่วนต่างๆ ของพืช



สามารถตั้งความหนาของการตัดตัวอย่างได้ในช่วงต่างๆ ได้ดังนี้

- ช่วง 1.0-5.0 ไมครอน สามารถปรับค่าความละเอียดได้ 0.5 ไมครอน
- ช่วง 5.0-20 ไมครอน สามารถปรับค่าความละเอียดได้ 1.0 ไมครอน
- ช่วง 20.0-60.0 ไมครอน สามารถปรับค่าความละเอียดได้ 5.0 ไมครอน
- ช่วง 60.0-100.0 ไมครอน สามารถปรับค่าความละเอียดได้ 10.0 ไมครอน

เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง High Speed Centrifuge (Sorvall LYNX 4000 super speed centrifuge)



เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (High speed centrifuge) เป็นเครื่องมือในกระบวนการเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมสำหรับการวิจัยและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ รองรับงานด้านอาหาร เกษตร ชีวภาพ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

ชนิดหัวปั่น (Rotor)	ความเร็วรอบสูงสุด ที่รองรับ	ความจุสูงสุด ที่รองรับ
หัวปั่นแนวราบชนิดมุมแกว่ง (BIOFlex HC Swing-bucket rotor)	 5,500 rpm/7,068 ×g	4,000 mL
หัวปั่นชนิดแนวรอบมุมเอียงคงที่ (F12-6×500 LEX Rotor)	 12,000 rpm/24,471 ×g	3,000 mL
หัวปั่นชนิดแนวรอบมุมเอียงคงที่ (A23-6×100 Rotor)	 21,000 rpm/50,290 ×g	600 mL

- ตั้งเวลาในการปั่นได้สูงสุด 90 ชั่วโมง และเลือกปั่นแบบต่อเนื่องได้ (Hold)
- ตั้งอุณหภูมิในการปั่นในช่วง -5 ถึง +40 °C
- ตั้งอัตราการเพิ่มความเร็ว (Acceleration) ได้ 9 ระดับ และอัตราการลดความเร็ว (Deceleration) ได้ 10 ระดับ
- จัดเก็บโปรแกรมการปั่นในหน่วยความจำได้สูงสุด 90 โปรแกรม

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และสมบัติทางความร้อน Simultaneous Thermal Analyzer: STA

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและสมบัติทางความร้อน (Simultaneous Thermal Analyzer; STA) รุ่น STA 449 F5 Jupiter®, NETZSCH เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณและพลังงานของวัสดุ โดยเทียบกับสารอ้างอิง ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศในการเกิดปฏิกิริยาตามโปรแกรมเดียวกัน (TG/DSC) ตัวอย่างจะถูกวางในภาชนะขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับเครื่องซึ่งที่มีความละเอียดสูง และมีตัวตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงปริมาณความร้อนที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยวัดการเปลี่ยนแปลงการไหลของความร้อน (Heat flow) ของสารตัวอย่างเทียบกับสารอ้างอิง ผลการวิเคราะห์ที่ได้แสดงเป็นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (แกน X) เทียบกับร้อยละของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง (แกน Y1) และพลังงานเชิงความร้อนของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสารอ้างอิง (แกน Y2) ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติทางความร้อน (Thermal properties) เสถียรภาพต่อความร้อน (Thermal Stability) เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน



(Oxidative Stability) และปริมาณสารระเหยในตัวอย่าง (Volatile Matter Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุ (Composition Analysis) ปริมาณพลังงานความร้อน (Enthalpy) อุณหภูมิการหลอมเหลว (Melting Transition) การตกผลึก (Crystallization) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเฟส เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายรูปแบบ เช่น เซรามิกส์ พอลิเมอร์ โลหะ สิ่งทอ อาหาร เครื่องสำอาง และยา เป็นต้น

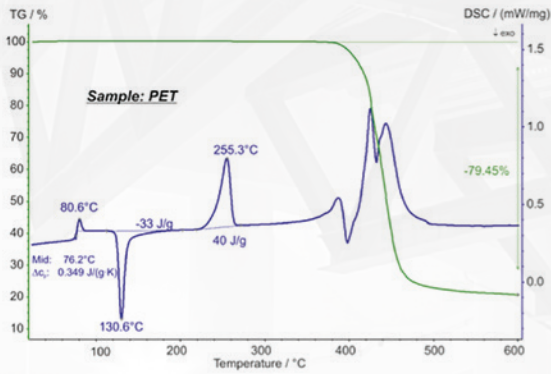
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ	อุณหภูมิห้อง (28 °C) ถึง 1,400 °C
อัตราการให้ความร้อน	0.01 ถึง 50 °C/min
ปริมาณตัวอย่างที่ใช้	ประมาณ 10 - 20 mg และรองรับน้ำหนักตัวอย่างสูงสุดได้ 35,000 mg (กรณีใช้ภาชนะบรรจุตัวอย่างแบบ TGA)
สภาวะบรรยากาศที่ใช้ในการทดสอบ	N ₂ , O ₂ และ Synthetic Air
อัตราการไหลของแก๊สที่ใช้	4 - 200 ml/min

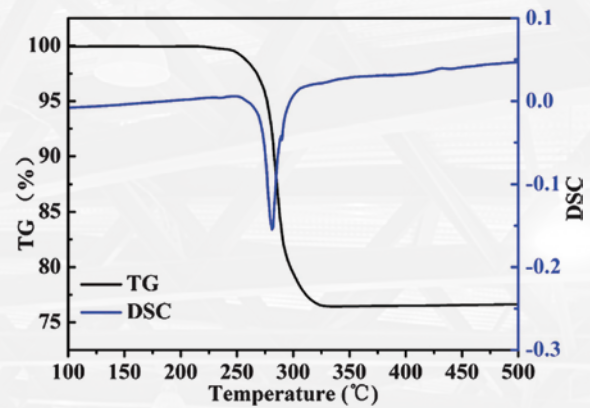
การประยุกต์ใช้งาน

- ศึกษาอุณหภูมิและพลังงานการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Glass Transition: T_g) การหลอมเหลว (Melting) และการเกิดผลึก (Crystallization) รวมถึงอุณหภูมิและปริมาณการสลายตัวของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate: PET) ดังรูปที่ 1

- ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเฟสสารตั้งต้น Bi(NO₃)₃·5H₂O สำหรับใช้ในการสังเคราะห์ Bi₂O₃ ที่มีลักษณะเป็นชั้นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน Biosensing⁹¹ ดังรูปที่ 2



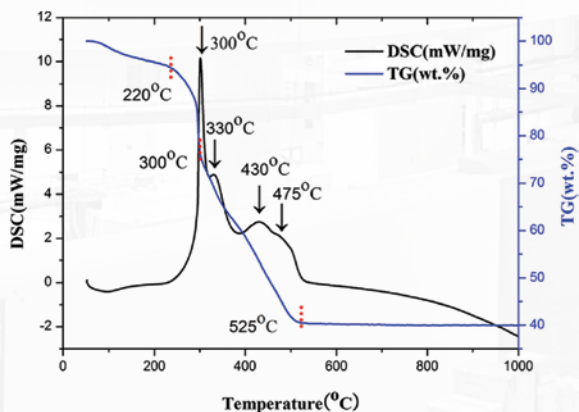
รูปที่ 1 TG-DSC Curves ของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมทางความร้อน



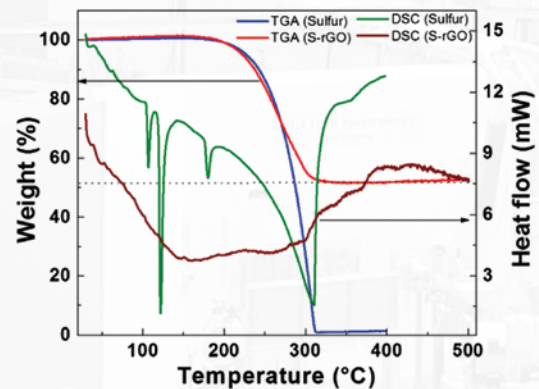
รูปที่ 2 TG-DSC Curves ของ $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ เพื่อศึกษาอุณหภูมิและพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนเฟส

• ศึกษาอุณหภูมิและพลังงานที่ใช้ในการสลายตัวของสารระเหยได้ (Volatile Matters) และการเสื่อมสภาพของพอลิไวนิลไพโรลิโดน (Polyvinyl pyrrolidone: PVP) ที่ใช้เตรียมเส้นใยนาโน TiO_2 -vermiculite นอกจากนี้ยังสามารถใช้ศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการเปลี่ยนเฟส anatase ของ TiO_2 เป็นเฟส rutile ได้ ดังรูปที่ 3

• ศึกษาอุณหภูมิและพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างของซัลเฟอร์ที่เติมลงไปบนกราฟีนออกไซด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้วแคโทดในแบตเตอรี่แมกนีเซียม-ซัลเฟอร์ ดังรูปที่ 4



รูปที่ 3 TG-DSC Curves ของ $\text{PVP}/\text{Ti}(\text{OCH}(\text{CH}_3)_2)_4$ สำหรับใช้ในการสังเคราะห์เส้นใยนาโน TiO_2 เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง



รูปที่ 4 TG-DSC Curves ของซัลเฟอร์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยซัลเฟอร์ (Sulfur-reduced graphene oxide: S-rGO) ที่ใช้เป็นขั้วแคโทดในแบตเตอรี่แมกนีเซียม-ซัลเฟอร์

เอกสารอ้างอิง

1. Yu, Y.N., Lu, S.Y., Bao, S.J., Sun, Q.Q. and Liao, S.H., Nanostring-cluster hierarchical structured Bi_2O_3 : Synthesis, evolution and application in biosensing, *Phys Chem Chem Phys*, 2016, 18, 1931-1936.
2. Tang, C., Hu, M., Fang, M., Liu, Y., Wu, X., Liu, W., Wang, M. and Huang Z., Photocatalytic property of TiO_2 -vermiculite composite nanofibers via electrospinning, *Nanoscale Res Lett*, 2015, 10, 276-285.
3. Vinayan, B.P., Zhao-Karger, Z., Diemant, T., Chakravadhanula, V.S.K., Schwarzbürger, N.I., Cambaz, M.A., Jürgen Behm, R., Kbel, C. and Fichtner M., Performance study of magnesium-sulfur battery using a graphene based sulfur composite cathode electrode and a non-nucleophilic Mg electrolyte, *Nanoscale*, 2016, 8, 3296-3306.

บริการวิจัยตอบโจทย์

สถาบันให้บริการวิจัยในลักษณะตอบโจทย์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานวิจัยที่ตอบโจทย์จะต้องเป็นงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ หรือเป็นการให้บริการในลักษณะวิจัยระยะยาวร่วมกับสถาบัน การให้บริการวิจัยในลักษณะเช่นนี้ มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. งานวิจัยตอบโจทย์ โดยสถาบันคิดโจทย์ให้กับผู้ใช้บริการ และดำเนินการวิจัยให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. งานวิจัยตอบโจทย์ โดยผู้ใช้บริการให้โจทย์งานวิจัยแก่สถาบัน โดยสถาบันดำเนินการวิจัย และหรือทำวิจัยร่วมกัน
3. งานวิจัยตอบโจทย์ โดยสถาบันและผู้ใช้บริการคิดโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกัน

ติดต่อใช้บริการได้ที่

ส่วนพัฒนารูธุรกิจ

✉ bds@slri.or.th

☎ 08 9949 7313



บริการเทคนิคและวิศวกรรม

ติดต่อใช้บริการได้ที่

ส่วนพัฒนารูรูกิจ

 bds@slri.or.th

 08 9949 7313



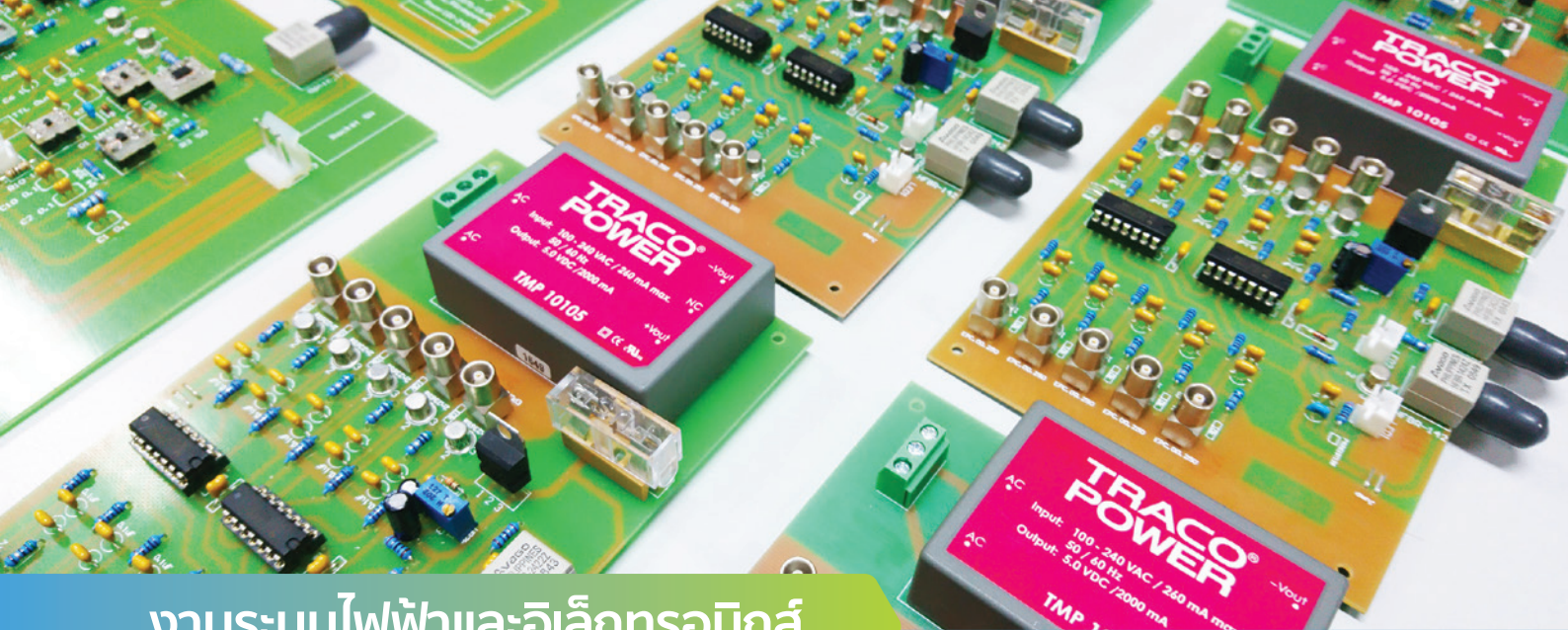
งานพัฒนาระบบเชิงกล

คือการให้บริการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และซ่อมบำรุงชิ้นส่วนระบบเชิงกล และอุปกรณ์ระบบสุญญากาศของเครื่องเร่งอนุภาค ระบบลำเลียงแสง และสถานีทดลอง



งานการผลิต

คือการให้บริการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์สุญญากาศระดับสูง ที่ผ่านการออกแบบ ให้บริการงานล้างทำความสะอาดชิ้นส่วน และการทดสอบรอยรั่ว เพื่อสนับสนุนงานเครื่องเร่งอนุภาคฯ สร้างระบบลำเลียงแสง และสถานีทดลอง โดยมีศักยภาพและความสามารถในการให้บริการทั้งในสถาบัน และหน่วยงานภายนอก



งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คือการให้บริการออกแบบ พัฒนา สร้าง และ บำรุงรักษา อุปกรณ์ทางไฟฟ้า ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์กับระบบควบคุมต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดแสงสยาม ระบบลำเลียงแสง และสถานีทดลอง รวมไปถึงเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์



งานระบบควบคุม

คือการให้บริการออกแบบ พัฒนาระบบควบคุมโปรแกรมการวัดและเก็บข้อมูลของเครื่องกำเนิดแสงสยาม ระบบลำเลียงแสง สถานีทดลอง และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรม

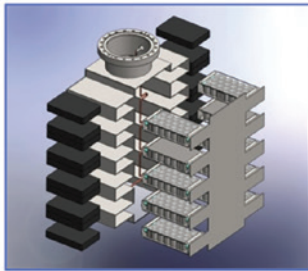


ในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นั้น สถาบันได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุญญากาศ จากวิศวกรประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงแขนงหนึ่ง สำหรับรองรับการสร้างระบบที่ใช้ในการผลิตแสงซินโครตรอน กลุ่มนักวิจัยและวิศวกรของสถาบันได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสุญญากาศระดับสูงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศระดับสูงยิ่งยวด (Ultra High Vacuum Components) ที่ทำงานในสภาวะสุญญากาศระดับ 1.0×10^{-10} ทอร์ (torr) ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้าจาก ต่างประเทศ นอกจากนี้ สถาบันยังพัฒนาระบบควบคุมแม่นยำสูง (High precision control) และการผลิตปั๊มสุญญากาศแบบสปีดเตอร์ไอออนควบคู่กันไปด้วย

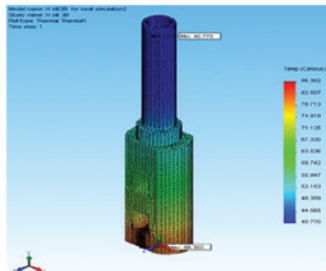
ปัจจุบัน สถาบันมีความพร้อมในการให้บริการออกแบบ จัดสร้างและการพัฒนาระบบสุญญากาศชนิดต่าง ๆ รวมถึงมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านระบบสุญญากาศ ระบบควบคุม และระบบปั๊มสุญญากาศแบบสปีดเตอร์ไอออนเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับระบบสุญญากาศเพิ่มมากขึ้น การให้บริการของสถาบันจึงถือเป็นการให้บริการด้านเทคนิคและวิศวกรรมขั้นสูงที่ครบวงจร ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ บนพื้นฐานแห่งความคุ้มค่าทั้งราคา และงานบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ตัวอย่างงานที่สถาบัน ให้บริการ เช่น

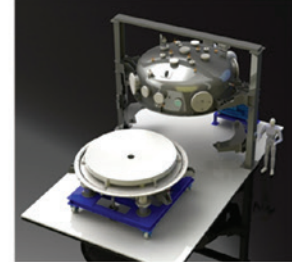
- งานแก้ไขปัญหาระบบสุญญากาศของเครื่องทำวัคซีนเหลวให้เป็นผง (Freeze Dryer) ของบริษัทองค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด เขตอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- งานสร้างและพัฒนาเครื่องเคลือบ กระฉกกห้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตรของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สตร.)
- งานสร้างHot trap & Mixer ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น



ปั๊มสุญญากาศชนิดไอออน
ขนาด500 L/s



งานวิเคราะห์การกระจาย
ความร้อนช่องเปิดรับแสง



ระบบเคลือบผิวกระจกขนาด 2.4 เมตร สำหรับกล้อง
โทรทรรศน์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

การบริการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศ ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการออกแบบ

- บริการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS ประกอบด้วย การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ (3D Part), การออกแบบชิ้นงานประกอบ (Part Assemblies) และการออกแบบงาน สำหรับการผลิต (2D Drawing)
- บริการวิเคราะห์ปัญหาทางกลศาสตร์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์อีลิเมนต์ จากโปรแกรม ANSYS (Static, Transient, Modal, Bucking, Spectrum, Harmonic, Conduction, Convection, Large Strain และ Large Deflection)

2. กระบวนการขึ้นรูป

- การขึ้นรูป ทำการตัด เจาะ เชาะ ตกแต่งวัสดุให้ได้ขนาดและรูปร่างตามส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ต้องการด้วยเครื่องจักรทันสมัย และบุคลากรชำนาญการ
- ประกอบชิ้นงาน ส่วนประกอบย่อยที่ถูกขึ้นรูปแล้วจะถูกประกอบเข้าด้วยกัน โดยการจับยึดในเบ้ารองรับ โดยต้องมีความแม่นยำ ในการประกอบให้ได้ขนาดและมุม ที่เที่ยงตรงตามแบบ
- การเชื่อมประสาน โดยช่างเชื่อมฝีมือที่มีประสบการณ์สูง ทำการเชื่อมรอยต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดจุดบกพร่องอันนำมาสู่รอยรั่วของสุญญากาศป้องกันการบิดตัวของชิ้นงานรวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน



3. การทดสอบสุญญากาศ

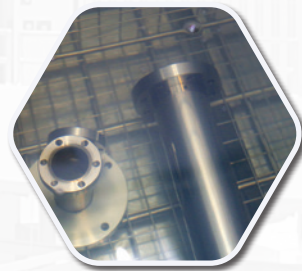
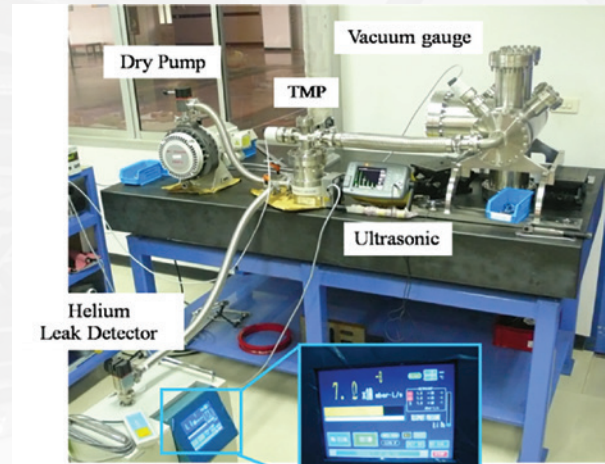
เป็นการทดสอบคุณภาพสุญญากาศของชิ้นงาน โดยมีการสร้างสภาพสุญญากาศด้วย turbo molecular pump และทำการทดสอบด้วย helium leak detector เพื่อเป็นการประกันคุณภาพในทุกรอยต่อ หากมีรอยรั่วชิ้นงานจะถูกส่งกลับไปแก้ไข ก่อนนำกลับมา ทดสอบใหม่อีกครั้ง

4. การทำความสะอาด

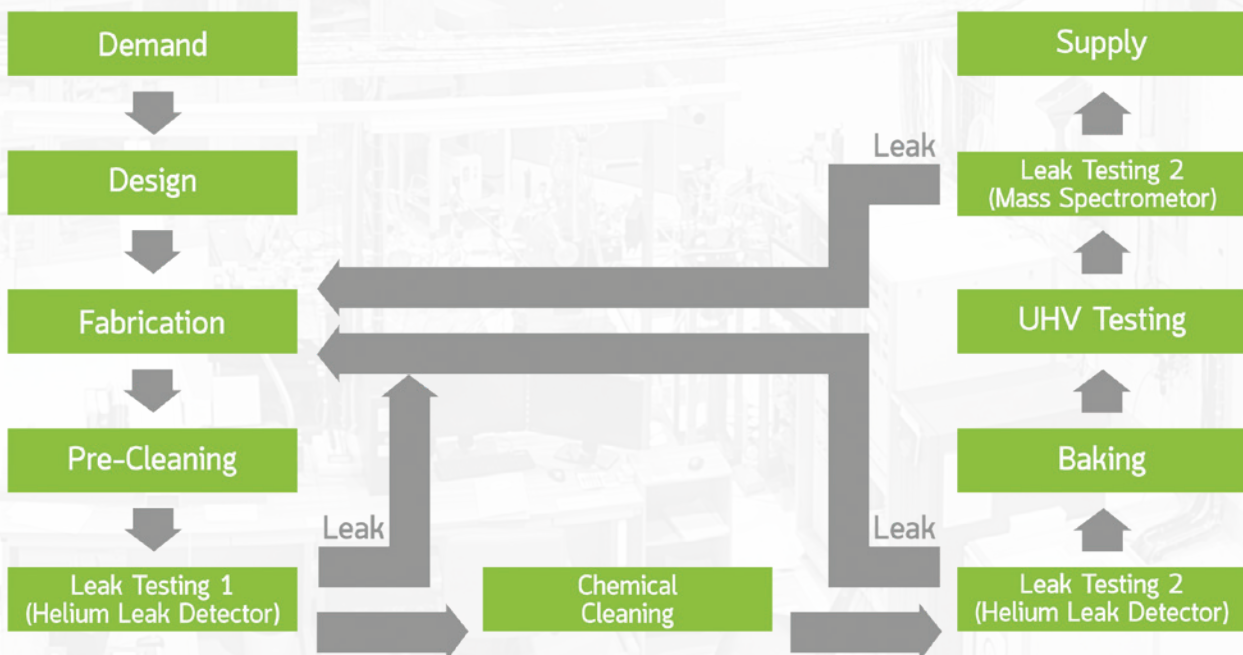
ชิ้นงาน UHV จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดโดยการล้างสิ่งสกปรกด้วยสารเคมี และทำให้แห้ง ก่อนที่จะทำการทดสอบ UHV และส่งมอบให้กับผู้ใช้ต่อไป

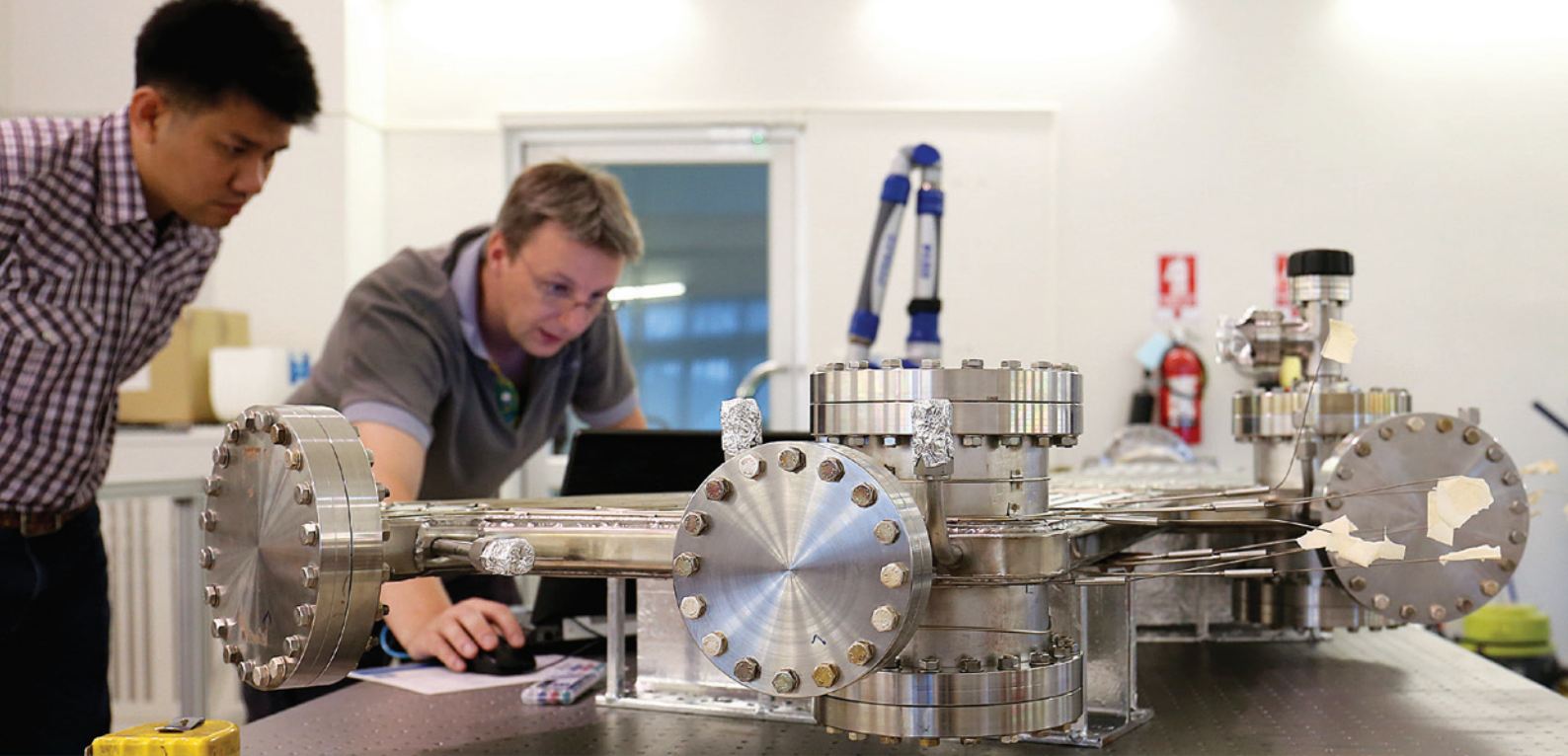
5. การอบไล่อากาศ (Baking)

เพื่อการทดสอบสุญญากาศในระดับสูงยิ่ง (UHV) โดยใช้เครื่องมือเฉพาะเช่น Mass Spectrometer



แผนผังกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศ





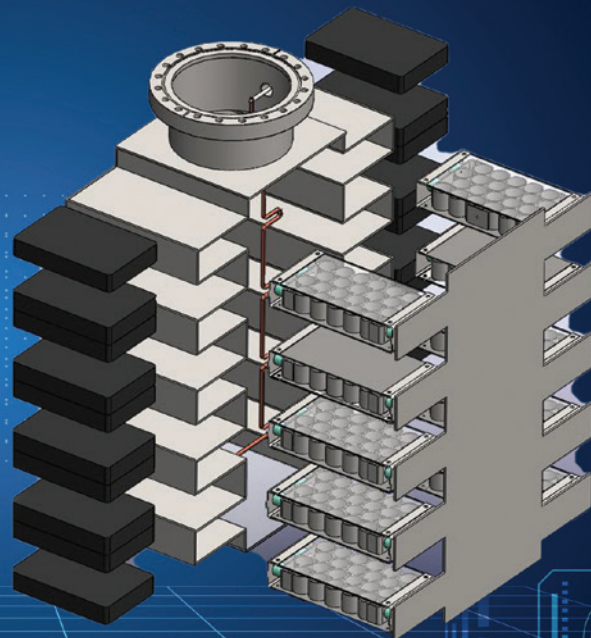
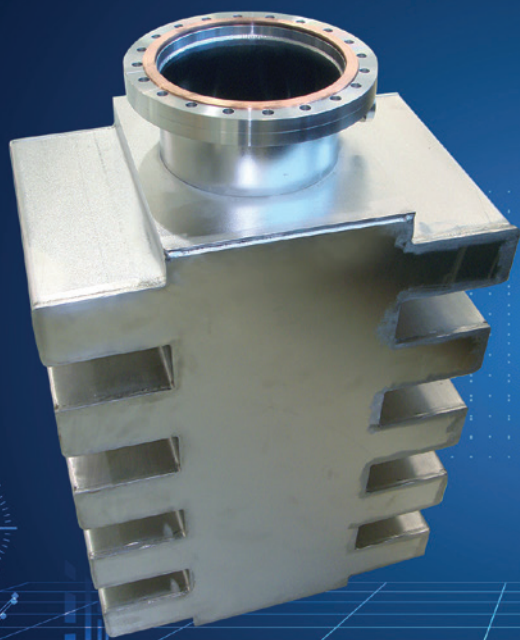
บริการตรวจสอบขนาดและรูปร่างทางเรขาคณิตของชิ้นงาน

1. บริการตรวจสอบ มิติ ขนาด รูปร่างทางเรขาคณิตของชิ้นงานที่ผลิตขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว ด้วยเครื่องมือ Portable Coordinate Measuring Machine โดยตรวจสอบชิ้นงานเปรียบเทียบกับขนาดจากการออกแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD หรือแบบจากโปรแกรม SOLIDWORKS โดย ตรวจสอบความแม่นยำในการผลิต เช่น Plane, Angle, Parallel และ Eccentric เป็นต้น
2. ตรวจสอบขนาดและรูปร่างของชิ้นงานที่มีขนาด ความกว้าง x ความยาว x ความสูง ไม่เกิน 90 x 90 x 90 เซนติเมตร
3. สามารถให้บริการตรวจสอบขนาดและรูปร่างของชิ้นงานโดยให้ค่าความแม่นยำในการตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 0.02 มิลลิเมตร



บริการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและประมวลผล

1. ระบบควบคุมทางด้าน Interlock System ทั้งระบบควบคุมแบบระยะใกล้ (Local Control) และระยะไกล (Remote Control) สามารถประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมและการผลิตที่มีความซับซ้อนผ่านระบบ network โดยใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ
2. งานควบคุมสำหรับระบบเชิงกลที่ต้องการความแม่นยำและความละเอียดสูง (High Precision) ซึ่งประกอบไปด้วยงานสร้างและพัฒนาทั้งในส่วนของ hardware และ software ซึ่งได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมชุดมอเตอร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อนต่างๆ แบบหลายมิติเป็นต้น



บริการผลิตปั๊มสุญญากาศแบบสปัตเตอร์ไอออน (Sputter Ion Pump)

ระบบสุญญากาศระดับสูงมากที่เรียกว่า ระดับสูงยิ่งยวด Ultra High Vacuum (UHV) ไม่สามารถใช้ปั๊มสุญญากาศทั่วไปเพียงชนิดเดียวในการสร้างสภาวะดังกล่าวได้ ต้องทำงานร่วมกับปั๊มสุญญากาศแบบไอออนเป็นหลัก ซึ่งปั๊มสุญญากาศแบบไอออน มีหลักการทำงานคือทำให้อากาศที่เหลืออยู่แตกตัวเป็นไอออนวิ่งด้วยความเร่งภายใต้สนามแม่เหล็กพุ่งชนกับแผ่นไททาเนียมบริสุทธิ์ ทำให้เกิดกระบวนการสปัตเตอร์ริง และดูดจับโมเลกุลของอากาศ

เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตปั๊มดังกล่าวยังไม่มีในประเทศทำให้มีราคาสูง กลุ่มวิศวกรของสถาบันจึงได้ร่วมกันพัฒนาปั๊มสุญญากาศ ในขนาด 150 ลิตรต่อวินาทีได้เป็นผลสำเร็จ ปั๊มที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้าง สุญญากาศในระดับ 3×10^{-10} ทอร์ (torr) โดยมีราคาถูกกว่าเครื่องของราคานำเข้าจากต่างประเทศ



การให้บริการเชื่อมโลหะในสภาวะสุญญากาศ

เทคโนโลยีเตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเ็บในภาวะสุญญากาศได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ1703001736) ข้อดีของการเชื่อมประสานด้วยเทคนิคนี้คือโลหะที่เชื่อมจะเกิดการบิดตัวน้อย ทำให้ควบคุมความแม่นยำในการเชื่อมได้ดี สามารถเชื่อมโลหะชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดได้เป็นอย่างดี ความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยีที่เกิดจากการพัฒนาเตาเชื่อมประสานโลหะในสภาวะสุญญากาศ (Vacuum Brazing Furnace) นี้ สามารถพัฒนาต่อยอดได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือตัด (Cutting Tools) อุตสาหกรรมการอบชุบโลหะ (Heat Treatment) อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Converter) เป็นต้น

คุณลักษณะของเตาเชื่อมประสานในสภาวะสุญญากาศ

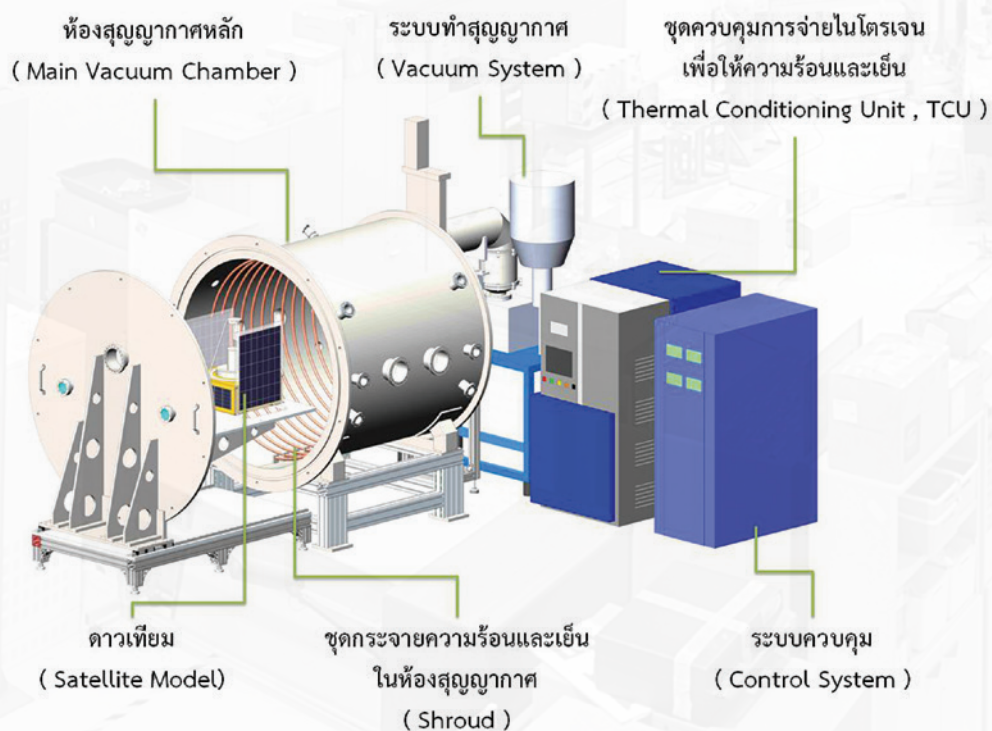
Size W x H x D	300 x 300 x 500 mm.
Max Temperature	1,200 °C
Heating Element	Molybdenum
Insulator	Graphite
Temp. Ripple	< ± 5 °C
Temp. Ramp-Up Rate	≥ 25 °C/min
Base Pressure	Less than 5.0×10^{-5} Torr
Main Vacuum Pump	Diffusion
Baking Pump	Rotary and Robot
Cooling Water Temp.	< 10 °C
Cooling Gas	N ₂ , Ar
Hot zone uniformity	Less than ± 5 °C



การให้บริการทดสอบสถานะการทำงานของดาวเทียมวิจัยอวกาศและวัสดุในสถานะสุดโต่ง

ระบบทดสอบสถานะการทำงานของดาวเทียมวิจัยอวกาศ เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองสภาวะอวกาศ โดยคุณสมบัติของระบบสามารถสร้างสภาวะสุญญากาศระดับสูง (HV) ที่ค่าความดันต่ำกว่า 1.0×10^{-6} torr ในห้องสุญญากาศทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสามารถสร้างสภาวะร้อน-เย็นที่อุณหภูมิ ± 150 องศาเซลเซียส โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตความร้อน-เย็นด้วยไนโตรเจนเหลว (LN2) สามารถรองรับการทดสอบดาวเทียมที่มีน้ำหนักมากถึง 100 กิโลกรัม และมีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ

* หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนพัฒนารูทกิจ : 0-4421-7040 ต่อ 1607-1609





บริการที่ปรึกษา

สถาบันให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ในลักษณะให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินงานวิจัย โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ เทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบาง เทคโนโลยีการสังเคราะห์ กระดาษเกรียบ ฯลฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ติดต่อใช้บริการได้ที่

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

✉ bds@slri.or.th

☎ 08 9949 7313



บริการอื่นๆ

บริการอื่น ๆ ได้แก่ การให้บริการจัดอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เทคนิคแสงซินโครตรอน เทคนิคและวิศวกรรม และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของสถาบัน อีกทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนที่สนใจในงานวิจัย ตลอดจนการเช่าพื้นที่ อุปกรณ์ หรือห้องประชุม เพื่อช่วยสนับสนุนงานทางด้านวิชาการอีกด้วย

ติดต่อใช้บริการได้ที่

ส่วนพัฒนารูรจ

 bds@slri.or.th

 08 9949 7313

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้บริการ



1. กลุ่มอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

วิเคราะห์กลไกการแพร่ผ่านชั้นผิวหนังของสารออกฤทธิ์ หรือสารอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ สำหรับบำรุงผิว โดยเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ



2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีระดับโมเลกุลหรืออะตอม เช่น เพื่อพัฒนาแปรรูปให้ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ในกระเพาะอาหารสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ถูกควบคุมน้ำหนัก วิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนของเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ และผลของสารเติมแต่งต่อคุณภาพของพืช นอกเหนือจากงานวิเคราะห์และทดสอบ ยังมีการวิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของพืช เช่น ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Smart Farming) และการติดตามผลการทดลองในลักษณะ Real time เป็นต้น



3. กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะและเซรามิก

วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ การปนเปื้อนและข้อบกพร่องบนพื้นผิววัสดุ การกัดกร่อนของโลหะและเซรามิก การแยกตัวขององค์ประกอบทางเคมีในระดับจุลภาค และการตกผลึกของเฟสที่ 2 บนพื้นผิว เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุดังกล่าวให้สามารถใช้งานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ



4. กลุ่มอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์

วิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีในระดับโมเลกุลและอะตอมของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น คุณสมบัติด้านการยืดหยุ่น คุณสมบัติด้านแรงกระแทก ฯลฯ นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของยางที่เปลี่ยนไปภายใต้สภาวะความดันหรืออุณหภูมิต่าง ๆ



5. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

วิเคราะห์ชิ้นส่วนโลหะและโลหะผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคทางเคมี การถ่ายภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างจุลภาคของโลหะ



6. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิเคราะห์พวกรังสีตัวนำชนิดฟิล์มบาง เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตโซลาร์เซลล์ จอโปร่งแสง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนประกอบในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยเฉพาะหัวอ่าน แม่เหล็ก และแหล่งบรรจุข้อมูล



7. กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ขนาดจุลภาค (ขนาดจิ๋ว)

สามารถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่มีขนาดจุลภาคในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในแต่ละมิติต่ำ เช่น แม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครชิป ชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดจิ๋ว และเฟืองเกียร์ เป็นต้น



8. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมีภัณฑ์

วิเคราะห์การจัดเรียงตัวของสารเคมีที่เคลือบบนผิวผ้าในระดับนาโนเมตร หรือวิเคราะห์เส้นใยนาโน เช่น เส้นใยผ้าที่ผสมซิลเวอร์นาโน เพื่อฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น



9. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี

วิเคราะห์โครงสร้างระดับอะตอมของธาตุในอัญมณี เพื่อป้องกันข้อมูลเชิงลึกในการเปลี่ยนสีของอัญมณีให้ได้ตามที่ต้องการ เป็นต้น



10. กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังมีกลุ่มงานวิจัยอื่น ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ และวิเคราะห์ พื้นผิวฟิล์มบางที่นำไปประยุกต์ใช้ทางด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น



การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solutions)

สถาบันสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต การคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ “Total Solution” ที่ช่วยให้กระบวนการวิจัยง่ายขึ้น รับผิดชอบดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ถือเป็นการตอบโจทย์งานวิจัยที่เสร็จภายในขั้นตอนเดียวแก่ภาคเอกชน นอกเหนือจากการใช้แสงซินโครตรอนแล้ว ยังมีเครือข่ายหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมช่วยแก้ไขปัญหให้กับภาคเอกชนอย่างครบวงจร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน



Problem Solved



Alliance

- Universities
- Other Labs
- Research Institutes



Synchrotron

- Beamtime
- Lab
- Scientist



Company

ขั้นตอนการขอรับบริการภาควิชาการ

- 1 | นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงให้คำปรึกษา การเขียนข้อเสนอโครงการ
- 2 | ผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน ยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ Beamtime application system (<http://beamapp.slri.or.th>)
- 3 | คณะกรรมการ และผู้จัดการระบบลำเลียงแสง ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
- 4 | ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง จัดสรรเวลาการใช้บริการ และส่วนบริการผู้ใช้ ดำเนินการแจ้งข้อมูล แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- 5 | ผู้ขอใช้บริการยืนยันการเข้าใช้บริการและแจ้ง รายชื่อผู้เข้าทำการทดลองมายังส่วนบริการผู้ใช้
- 6 | ผู้ขอใช้บริการเข้ารับการอบรมความปลอดภัย รับอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล บัตรผ่าน เข้าออกโรงทดลอง แบบประเมินความพึงพอใจ และเข้าทำการทดลอง
- 7 | เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง คืนอุปกรณ์ตรวจวัดรังสี และบัตรผ่านเข้าออกโรงทดลอง, ส่งแบบประเมิน ความพึงพอใจ และกรอกข้อมูล End of run report
- 8 | รายงานผลการทดลอง Experimental report ในระบบ Beamtime application system (<http://beamapp.slri.or.th>)

ขั้นตอนการขอรับบริการภาคเอกชน



สำหรับภาควิชาการ

ติดต่อส่วนบริการผู้ใช้



0 4421 7040 ต่อ 1602-1605
08 1955 6518
userservice@slri.or.th



สำหรับผู้ใช้ภาควิชาการ

สำหรับภาคเอกชน

ติดต่อส่วนพัฒนารัฐกิจ



0 4421 7040 ต่อ 1607-1609
08 9949 7313
bds@slri.or.th



สำหรับผู้ใช้ภาคเอกชน





สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 อาคารสิรินธรวิชัยกัย ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0 4421 7040 โทรสาร: 0 4421 7047

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2354 3954 โทรสาร: 0 2354 3955